PAIENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Commissioner US Department of Commerce United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room
	CP2/5C24 Arlington, VA 22202
Date of mailing: 15 February 2001 (15.02.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office
International application No.: PCT/JP99/04206	Applicant's or agent's file reference: 319901605971
International filing date: 04 August 1999 (04.08.99)	Priority date:
Applicant: NAKAMURA, Shigeru et al	
1. The designated Office is hereby notified of its election made: X in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on: 01 October 1999 (01.10.99) in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 2. The election X was was not was not was not was not was not was 2.2(b).	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

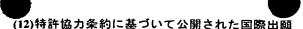
Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Lipis Page Blank (uspto)



(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年2 月15 日 (15.02.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/11615 A1

(51) 国際特許分類6: G11B 7/125, 7/09, 7/135, H01S 3/18

(21) 国際出願番号:

PCT/JP99/04206

(22) 国際出願日:

1999年8月4日 (04.08.1999)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

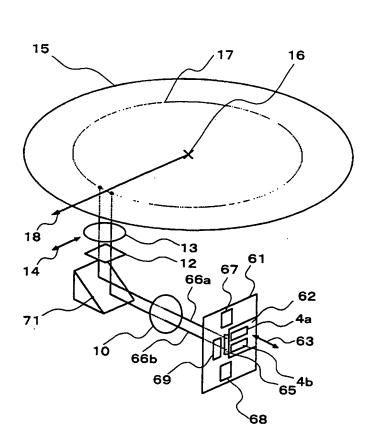
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 日立製作所 (HITACHI, LTD.) [JP/JP]; 〒101-8010 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 Tokyo (JP). (72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中村 滋 (NAKA-MURA, Shigeru) [JP/JP]; 〒185-8601 東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地株式会社 日立製作所 中央研究所内 Tokyo (JP). 重松和男 (SHIGEMATSU, Kazuo) [JP/JP]. 神定利昌 (KAMISADA, Toshimasa) [JP/JP]; 〒312-0061 茨城県ひたちなか市稲田1410番地株式会社日立製作所 デジタルメディア製品事業部内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 弁理士 作田康夫(SAKUTA, Yasuo); 〒100-8220 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株式会社 日立製作所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.

/続葉有]

(54) Title: LASER MODULE AND OPTICAL HEAD

(54) 発明の名称: レーザモジュールおよび光ヘッド



(57) Abstract: An optical head in which semiconductor laser chips are stuck on an attachment face vertical to the direction of the tracking control of a focusing lens. Even if variations in in-plane direction of the positions where semiconductor laser chips of an optical head are stuck are present, the variation in the light spot power is reduced even while tracking control is performed. In Figure 1, a laser chip attachment face (2) where semiconductor laser chips (4a, 4b) are stuck is vertical to the direction (14) of the tracking control of a focusing lens (13).



WO 01/11615 A1

WO 01/11615 A1



(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(57) 要約:

フォーカスレンズのトラッキング制御方向とは垂直な取付け 面に複数の半導体レーザチップを接着した光ヘッド。

複数の半導体レーザチップ取付け時に面内方向のばらつきが ある光ヘッドで、トラッキング制御を行っても光スポットパワー の変動を低減する。

第1図において、複数の半導体レーザチップ4a, 4bを接着するレーザチップ取付け面2がフォーカスレンズ13のトラッキング制御方向14とは垂直になるように配置する。

明 細 書

レーザモジュールおよび光ヘッド

5 技術分野

本発明は、光ディスク等の光学的情報媒体に情報を記録し、または光学的情報媒体から情報を再生する際に用いられる、レーザモジュール、光ヘッドまたは光学的情報記録再生装置に関し、特に、異なる波長の複数の光源を搭載したレーザモジュール、光ヘッドまたは光学的情報記録再生装置に関する。

背景技術

10

光ディスク装置等の光学的情報記録再生装置には、小型化薄型 化とともにいろいろな機能が望まれている。

従来の1つの光源を用いた通常の光ディスク装置では、情報を 記録した後の記録確認を再度のディスクを回転させて行うため 15 にデータ転送速度が遅くなるので、データ転送速度の高速化が望 まれている。そこで、特開昭64-70936号公報では、一つ の光ヘッド内に2個の半導体レーザチップを対向的に配置し、同 ーのコリメートレンズで2本の平行ビームにし、フォーカスレン ズに入射させて2個の光スポットを光ディスク面上の同一トラ 20 ックに照射し、情報の記録と記録確認のための再生をほぼ同時刻 に行うマルチビーム型光ヘッドが提案されている。このマルチビ ーム型ヘッドでは、2個光源に記録と記録確認用の再生をになわ せており、記録確認のために再度ディスクを回転させないですむ。 特開昭64-70936号公報の例では、情報記録を行うレーザ 25 ビームに対しては、高出力のレーザ光源と、光源からのレーザビ

ームを効率よくディスクに照射するための高光利用効率の光学系が必要である。他方、情報の再生を行うレーザビームに対しては、光学系の光利用効率が低くてもよい。よって、情報記録を行う方のレーザビームに関してのみ高い光利用効率を達成するような工夫で充分である。

また例えば、書込み可能な光ディスクとして普及したCD-R (Compact Disk-Recordable) と、近年、より高密度の書込み可 能な光ディスクとして開発されたDVD (Digital Versatile Disc / Digital Video Disc) の、両方の光ディスクを同一の小 型の光ヘッドで記録再生したいという要求が、近年著しい。CD 10 一Rの記録再生に適するレーザ波長は約780ヵmであり、一方、 DVDの記録再生に適するレーザ波長は約660nmであるた め、波長約780nmのレーザ光源と波長約660nmのレーザ 光源の両方を同一の光ヘッドに搭載する必要がある。例えば特開 平10-241189号公報や特開平10-289468号公 15 報では、波長約780nmのCD用半導体レーザチップと波長約 660 n m の D V D 用半導体レーザチップと光検出素子を 1 つ のユニットにまとめた小型の光ヘッドが提案されている。通常、 発光点位置が異なるビームはレンズ系の異なる位置を通過する から、これらの光ヘッドにおいても、2つの半導体レーザチップ 20 から放射されるビームはフォーカスレンズの異なる位置に入射 する。そこで、特開平10-241189号公報では透過型ホロ グラム(回折格子)を用いて、また特開平10-289468号 公報では偏光プリズム(複屈折性プレート)やホログラムによる 合成手段を用いて、2つのビームの光路を一致させている。さら 25 に、特開平10-289468号公報の第6図や特開平10-2

6 1 2 4 0 号公報の第 3 図では、レーザ光源とコリメートレンズ とフォーカスレンズの間隔をほぼ等しくすることにより、軸外に 配置されたレーザ光源からのビーム位置と軸上に配置されたレ ーザ光源からのビーム位置とがフォーカスレンズ近傍で一致す ることが示されている。

発明の開示

5

10

15

しかしながら、半導体レーザチップから放射されるレーザビームは、光強度分布が一様ではなく、ビームの中心部分が高い光強度分布である。そのため、上述した例のように複数のレーザビームの光路を一致させたとしても、半導体レーザチップが傾いて取り付けられた場合には、レーザビームの光強度分布の中心位置はフォーカスレンズの中心からずれるので、光ヘッド光学系の光利用効率は低下してしまう。よって、複数のレーザビームを情報記録に用いる光ヘッドや光ディスク装置では、半導体レーザチップを取り付ける場合に生じる角度ずれの方向やその精度を考慮して、それぞれのレーザビームに対して光利用効率の低下が少なくなるように光学部品の配置を決める必要がある。

さらに、光ディスク装置等では、光スポットが光ディスクのトラック上を正確に走査するように、フォーカスレンズ等を光ディ20 スクの半径方向に移動するトラッキング制御を行っている。そのため、トラッキング制御によってもレーザビームの光強度分布の中心位置はフォーカスレンズの中心からずれ、光ヘッド光学系の光利用効率は変化する。そこで、トラッキング制御によっても光利用効率が変化しにくい光ヘッドが必要となる。よって、トラッキング制御のためのフォーカスレンズ移動方向等も考慮して、それぞれのレーザビームに対して光利用効率の変動が少なくなる

ように光学部品の配置を決める必要がある。

本発明の目的は、波長の異なる複数のレーザ光源を用いて光学的情報媒体に情報を記録しまたは情報を再生するためのレーザモジュールおよび光ヘッドまたは光学的情報記録再生装置において、上記問題を解決し、半導体レーザチップを取り付ける場合に生じる角度ずれやトラッキング制御のためのフォーカスレンズ移動に対して、それぞれのレーザビームの光利用効率の低下や変化が少ないレーザモジュールおよび光ヘッドまたは光学的情報記録再生装置を提供することにある。

上記目的を達成するために、波長の異なる複数のレーザー光源 10 と、レーザー光源から放射した複数のレーザービームを光ディス ク等の光学的情報媒体に光スポットとして集束するフォーカス レンズ等の光学的集束手段と、光スポットが光学的情報媒体のト ラックを正しく走査するように光学的集束手段をトラック方向 とは垂直なトラッキング制御方向に移動させるレンズアクチュ 15 エータ等のトラッキング制御手段と、を有する光ヘッド、または そのような光ヘッドを備えた光学的情報記録再生装置において、 第1の発明では、複数のレーザー光源は、複数の半導体レーザチ ップであるとともに、複数の半導体レーザチップを取付けたレー ザチップ取付け面を、トラッキング制御方向とは実質的に垂直に 20 なるように配置する。ここで、レーザー光源から光学的集束手段 に至る光路に反射面や屈折面があって光路が反射屈折する場合、 光学的集束手段を反射面や屈折面による像で置換えると反射面 や屈折面が除去できて光路が一直線となり、光学的集束手段の像 をレーザー光源と同じ空間に射影することができる。上述の実質 25 的に垂直とは、反射面や屈折面を除去して光学的集束手段をレー

ザー光源と同じ空間に射影した場合、レーザチップ取付け面が光 学的集束手段の像のトラッキング制御方向とは垂直になるよう に配置することである。

また、第2の発明では、複数の半導体レーザチップから放射したレーザービームを反射するエッチング等で形成した第1の反射面と、第1の反射面からのレーザービームを光学的集束手段に導くミラー等の第2の反射面を有し、第1の反射面をレーザチップ取付け面と同一のシリコン等の基板に形成する。

また、第3の発明では、第1の反射面からのレーザービームを 10 トラッキング制御方向から第2の反射面に入射させるとともに、 複数の半導体レーザチップを、光学的情報媒体面と平行な面内方 向に並んで配置する。

また、第4の発明では、第1の反射面からのレーザービームをトラック方向から第2の反射面に入射させるとともに、複数の半導体レーザチップを、光学的情報媒体面と垂直な方向に並んで配置する。

また、第5の発明では、複数の半導体レーザチップと、複数の 半導体レーザチップから放射したレーザビームを受光する光検 出素子と、複数の半導体レーザチップおよび光検出素子を収納す 20 るパッケージと、からなるレーザモジュール、および、レーザモ ジュールから放射されたレーザービームを光ディスク等の光学 的情報媒体に光スポットとして集束するフォーカスレンズ等の 光学的集束手段と、光スポットが光学的情報媒体のトラックを正 しく走査するように光学的集束手段をトラック方向とは垂直な トラッキング制御方向に移動させるレンズアクチュエータ等の トラッキング制御手段と、からなるレーザモジュールを用いた光

ヘッドまたは光学的情報記録再生装置において、複数の半導体レーザチップを取付けたレーザチップ取付け面は、トラッキング制御方向とは実質的に垂直になるように配置する。ここで、実質的に垂直とは、前述の通りである。

5 また、第6の発明では、表面に光検出素子を形成したシリコン等の半導体基板に、複数の半導体レーザチップを取付けるためのレーザチップ取付け面を設け、さらに複数の半導体レーザチップから放射したレーザービームを反射するエッチング等で形成した第1の反射面を設け、レーザモジュールから放射されるレーザービームを光学的集束手段に導くミラー等の第2の反射面を配置する。

また、第7の発明では、第1の反射面からのレーザービームを トラッキング制御方向から第2の反射面に入射させるとともに、 複数の半導体レーザチップを、光学的情報媒体面と平行な面内方 向に並んで配置する。

また、第8の発明では、第1の反射面からのレーザービームを トラック方向から第2の反射面に入射させるとともに、複数の半 導体レーザチップを、光学的情報媒体面と垂直な方向に並んで配 置する。

20 また、第9の発明では、シリコン等の半導体基板と、半導体基板に設けられたレーザチップ取付け面と、レーザチップ取付け面に取付けられた数の半導体レーザチップと、数の半導体レーザチップから放射したレーザビームを反射する半導体基板に設けられたエッチング等で形成した反射面と、複数の半導体レーザチップから放射したレーザビームを受光する半導体基板に設けられた光検出素子と、横方向が縦方向よりも長く厚み方向にレーザビームを受光する半導体基板に設けられた光検出素子と、横方向が縦方向よりも長く厚み方向にレーザビームを

10

ームを放射する概略直方体形状で、横方向である長手方向の両側にリード線を有し半導体基板をほぼ中央に収納するパッケージと、からなるレーザモジュールにおいて、パッケージの横方向である長手方向とは直角な縦方向に複数の半導体レーザチップが並ぶように、半導体基板をレーザモジュールに収納する。

また、第9の発明では、半導体基板と、半導体基板に設けられたレーザチップ取付け面と、レーザチップ取付け面に取付けられた複数の半導体レーザチップと、複数の半導体レーザチップから放射したレーザビームを反射する半導体基板に設けられた反射面と、複数の半導体レーザチップから放射したレーザビームを受光する半導体基板に設けられた光検出素子と、からなるレーザモジュールにおいて、複数の半導体レーザチップが並ぶ方向における複数の半導体レーザチップの両側に光検出素子を配置する。

また、第10の発明では、レーザモジュールは半導体基板を収 15 納するパッケージを有し、パッケージはレーザビームがパッケー ジから放射される方向とは垂直な面内における外形が長い方向 と短い方向を区別できる程度の概略矩形形状であって、複数の半 導体レーザチップおよび光検出素子はパッケージの短い方向に 並ぶように配置する。

20 また、第11の発明では、半導体基板と、半導体基板に設けられたレーザチップ取付け面と、レーザチップ取付け面に取付けられた複数の半導体レーザチップと、複数の半導体レーザチップから放射したレーザビームを反射する半導体基板に設けられた反射面と、複数の半導体レーザチップから放射したレーザビームを受射面と、複数の半導体レーザチップから放射したレーザビームを受光する半導体基板に設けられた光検出素子と、からなるレーザモジュールにおいて、半導体基板は外部の電子回路と電気的に接

続するための複数のパッドを有し、複数のパッドは、複数の半導体レーザチップが並ぶ方向に平行な半導体基板の辺に沿って配置する。

また、第12の発明では、レーザモジュールは半導体基板を収 約するパッケージと外部の電子回路と電気的に接続するための 複数のリードを有し、パッケージはレーザビームがパッケージから放射される方向とは垂直な面内における外形が長い方向と短 い方向を区別できる程度の概略矩形状であって、複数のリード 線はパッケージの短い辺に沿って配置する。

10 図面の簡単な説明

第1図は、本発明にかかる光ディスク装置および光ヘッドの第 1の実施例の構成を示す図であり、第2図は、第1の実施例にお ける複合素子の回折格子部分の作用を説明する図であり、第3図 は、第1の実施例における半導体基板の構成を示す図であり、第 4図は、第1の実施例におけるパッケージの構成を示す図であり、 第5図は、本発明の原理を説明する図であり、第6図は、本発明 による光ディスク装置および光ヘッドの第2の実施例の構成を 示す図であり、第7図は、第2の実施例における半導体基板の構 成を示す図であり、第8図は第2の実施例におけるパッケージの 20 構成を示す図であり、第9図は、第2の実施例におけるレンズア クチュエータの構成を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

25 初めに説明に用いられる語句を番号と対応させて示す。
1は半導体基板、2はレーザチップ取付け面、3は法線方向、

4 a または 4 b は半導体レーザチップ、5 は半導体ミラー面、6 aと6bはレーザビーム、7は光検出素子、8は光検出素子、9. は光検出素子、10はコリメートレンズ、11はミラー、12は 複合素子、13はフォーカスレンズ、14はトラッキング制御方 向、15は光ディスク、16は光ディスク回転中心、17はトラ 5 ック、18は光ディスク半径方向、20はレーザビーム6aまた は 6 b 、 2 1 と 2 2 は境界線、 3 1 a と 3 1 b は半導体ミラー 5 面上の反射位置、32aは波長λaのレーザビーム、32bは波 長 λ b の レーザビーム、33は導電性薄膜、34はパット、35 はアンプ、41はパッケージ、42はリード線、43は台座、4 10 4は硝子カバー、45は反射面、51は光軸、52は入射瞳面、 53 a と 53 b は中心光線、54 a は等高線、55 a と 55 b と 56は光利用効率、61は半導体基板、62はレーザチップ取付 け面、63は法線方向、65は半導体ミラー、66 aまたは66 bはレーザビーム、67と68と69は光検出素子、71はミラ 15 ー、72aは波長λaのレーザビーム、72bは波長λbのレー ザビーム、73は導電性薄膜、74はパット、75はアンプ、8 1はパッケージ、82はリード線、83は台座、84は硝子カバ 一、85は反射面、91はレンズホルダー、92はバネ、93は 保持台、94はコイル、95は磁石、96は横板部分、97光へ 20 ッド筐体の表面、101は光ディスク装置の筐体、102はモー ター、103シャフト、104は光ヘッド、105はレンズアク チュエータ、106はアクセス機構、107はレール111光デ イスク装置の筐体、115レンズアクチュエータ、114光ヘッ 25 ド、である。

以下、本発明の第1の実施例を、第1図から第5図を用いて説

明する。

第1図は、本発明を用いた光ディスク装置および光ヘッドの基 本構成を示す。1は、表面に光検出素子や電子回路等を形成しレ ーザチップ等を取付けた半導体基板で、例えばシリコン等が好適 である。第1図では、半導体基板1は裏面をこちらに向けて配置 5 されているので表面は実際には見えないが、裏面から表面を誘視 した形式で図示してある。2は、半導体基板1の表面をエッチン グ加工等で深さ30μmから100μm程度掘って形成したレー ザチップ取付け面で、レーザチップ取付け面2は半導体基板1の 表面と平行である。矢印3は、レーザチップ取付け面2の法線方 10 向を示す。4 a は D V D 用の半導体レーザチップで波長 λ a = 6 60nmのレーザビーム6aを放射し、4bはCD-R用の半導 体レーザチップで波長1b=780nmのレーザビーム6bを 放射する。半導体レーザチップ4aと4bは、レーザチップ取付 け面2に半田等で接着されている。5は、半導体基板1の表面と 15 レーザチップ取付け面2の間に形成した半導体ミラー面で、エッ チング加工等によりレーザチップ取付け面 2 と同時に形成する ことができる。DVD用のレーザビーム6aは、半導体レーザチ ップ4aから第1図の上方向に放射された後、半導体ミラー面5 で反射され、コリメートレンズ10で平行光束になる。また、C 20 D用のレーザビーム6 b も、半導体レーザチップ4 b から第1図 の上方向に放射された後、半導体ミラー面 5 で反射され、コリメ ートレンズ10で平行光束になる。7は焦点ずれ検出信号を得る ための光検出素子で、8はトラックずれ検出信号と情報再生信号 を得るための光検出素子で、9は半導体レーザチップ4aと4b 25 の発光光量を監視するための光検出素子で、7と8と9はそれぞ

れ半導体基板1の表面に形成されている。11はミラーで、レー ザビーム6aと6bを情報トラック上に照射する。12は、偏光 性の4分割回折格子と4分の1波長板を張り合わせて一体にした 複合素子で、半導体レーザチップ側に偏光性の4分割回折格子を 向けて配置する。偏光性の4分割回折格子は、例えば複屈折性の 5 光学結晶板や液晶板でできていて、入射光が常光線の場合は回折 せずに透過し、異常光線の場合は回折格子として作用する。13 はフォーカスレンズで、基板厚さ0.6mmで使用波長が660 nmで開口数が 0.6のDVD用光ディスクと、基板厚さ 1.2 mmで使用波長が780nmで開口数が約0.5のCD-R用光 10 ディスクやCD用光ディスクの両方に適するように、入射瞳径が 変化可能なレンズや、入射側にホログラム素子を付加したものや、 入射側レンズ面にホログラム素子や輪帯溝を付加したもの、など を用いることができる。15は、上述したDVD用光ディスクや CD-R用光ディスクやCD用光ディスクを示す。16は光ディ 15 スク15の回転中心を示し、点線の円17は情報を記録するトラ ックを示し、矢印18は光ディスク15の半径方向を示す。光デ ィスク15の回転によりトラック17は18方向に変位するの で、レーザビーム6 a や 6 b の光スポットをトラック 1 7 に追従 させるためのトラッキング制御が必要となる。このため、第1図 20 には示さないが、後述する第9図に示すレンズアクチュエータ等 により、電磁気力を用いてフォーカスレンズ13を14で示すト ラッキング制御方向に変位させる。本実施例において、トラッキ ング制御方向14の投影像は、ミラー11と半導体ミラー5で反 射され、レーザチップ取付け面2の法線方向3と一致する。即ち、 25 半導体レーザチップ4aや4bを取付けるレーザチップ取付け

面2は、実質的にトラッキング制御方向14に垂直になっている。本実施例では、半導体レーザチップ4aや4bから放射されたレーザビーム6aや6bは、偏光性の4分割回折格子と4分の1波長板の複合素子12に入射する場合に例えば常光線として入射し、偏光性回折格子部分は回折せずにそのまま透過して、複合素子12の4分の1波長板により円偏光となる。光ディスクで反射したレーザビーム6aや6bは、複合素子12の4分の1波長板により異常光線となり、偏光性の4分割回折格子で回折される。第2図は、複合素子12の4分割回折格子の回折格子の回折格子パターンの一例を示し、境界線21と22で4つの領域に分割されている。円20はレーザビーム6aまたは6bを示し、4分割回折格子により4つの+1次回折光と4つの-1次回折光に分離される。

5

10

第3図(a)は、コリメートレンズ10側から見た半導体基板 1の表面を示す。32aで示す8つの黒塗りの4分の1円は回折 格子で分離された波長 laのレーザビームを示し、32bで示す 15 8つの塗りつぶさない4分の1円は回折格子で分離された波長 λbのレーザビームを示す。7は焦点ずれ検出信号を得るための 光検出素子で、波長laのレーザビーム32aを受光する8つの 短冊型光検出素子7aと、波長λbのレーザビーム32bを受光 する8つの短冊型光検出素子7b、とからなる。焦点ずれ検出方 20 法は、4分割ビームによるナイフエッジ方法(フーコー方法)を 用い、図に示したごとくアルミニューム等の導電性薄膜33で結 線すれば、ヤイヤーボンディング用パット34のA端子とB端子 から差動用の信号が得られる。8はトラックずれ検出信号と情報 再生信号を得るための光検出素子で、4つの光検出素子8の出力 25 信号は半導体基板上に形成したアンプ35を通りパット34の

ーザチップ4aと4bの発光光量を監視するための光検出素子 で、光検出素子9の出力信号はパット34のC端子から出力され る。点31aと31bは、半導体レーザチップ4aと4bから放 射したレーザビーム 6 a と 6 b の半導体ミラー 5 面上の反射位 5 置を示す。例えば、図2に示した4つの領域の回折格子ピッチP がすべて等しく回折格子の方向が縦線 21 に対して $+\alpha$ 度、 $-\alpha$ 度、+3α度、-3α度、とし、またコリメートレンズの焦点距 離をfcとすれば、回折格子で分離された波長λαのレーザビー $\Delta 3 2 a d$ 、点 3 1 a を中心とした半径 $R a = f c * \lambda a / P o$ 10 円周上で中心から2α度の間隔の位置に集光する。同様に、回折 格子で分離された波長んbのレーザビーム32bは、点31bを 中心とした半径 R b = f c $*\lambda$ b \angle P の円周上で中心から 2 α 度の間隔の位置に集光する。点31 a と 31 b の間隔である半導 体レーザチップ4aと4bの発光点間隔Dを、ほぼ 15 $D = f c * (\lambda b - \lambda a) / P$ とすれば、波長 λa のレーザビー ムの集光位置と波長λbのレーザビームの集光位置をほぼ一致 させることができ、本実施例のように、異なる波長のビームで光 検出素子やアンプを共通化でき、半導体基板1の表面を節約でき

D端子とE端子とF端子とG端子から出力される。9は半導体レ

第3図(b)は、第3図(a)の点線AA,位置における半導体基板1の断面構造を示す。半導体ミラー5はレーザチップ取付25 け面2に対して45度の角度で形成するのが好適である。例えば、シリコン基板によるミラー面の加工では、シリコン(100)面を

ージの小型化にも効果がある。

るつまり小さくできるばかりか、ヤイヤーボンディング用パット

や出力線の数を低減できるので、半導体基板1を収納するパッケ

水酸化カリウム系の水溶液でエッチングすると、(100)面に対する(111)面のエッチング速度がほぼ2桁遅い為に、平坦な(111)面を斜面とする四角錐台状の凹部が形成されるという異方性エッチングに基づいている。このとき、(111)面が(100)面となす角は約54°となるため、45度の半導体ミラーを形成するためには、例えば表面に対して結晶軸が傾斜したオフアングル約9度のシリコン基板を用いる必要がある。しかしながら、オフアングル角は、光検出素子や電子回路形成のための半導体プロセスの適合性も考慮して決める必要があり、半導体ミラー5が45度からずれる場合があり、レーザビーム6aや6bの出射方向が半導体基板1の垂直方向からずれる場合がある。

第4図(a)は、半導体基板1を収納したパッケージ41の構 造を示し、(b)は破線AA'における断面図、(c)は破線B B'における断面図である。42はリード線で半導体基板1のパ ット34とボンディングヤイヤーで接続される。第4図(c)で 15 は、半導体基板1を取付ける台座43の面は、レーザビーム6a や6bの出射方向が硝子カバー44に対して垂直方向となるよ うに傾けてある。また、台座43が傾けて取り付けられていない 場合には、パッケージ41から出射されるレーザビームの光強度 分布の中心線が光路と平行となるように台座43全体を傾けて 20 配置してもよい。44は半導体基板1を密閉するための硝子カバ ーで、硝子カバー44の内側にはレーザビーム6aや6bの外周 部分を反射するための反射面45が設けてある。反射面45によ る反射ビームを半導体基板1の光検出素子9で受光し、半導体レ ーザチップ4aと4bの発光光量を監視するための信号を得る。 25 第10図は、光ディスク装置の構造を示し、(a)は上面図、

(b)は側面図である。101は光ディスク装置の筐体である。 102はモーターで、光ディスク装置の筐体101に取付けられ ていて、シャフト103を介して光ディスク15を回転させる。 104は光ヘッドを示し、半導体基板1を収納したパッケージ4 1 とフォーカスレンズ 1 3 が取り付いたレンズアクチュエータ 5 105が取付けられている。106は光ヘッド104に取付けら れたアクセス機構、107は光ディスク装置の筐体101に取付 けられているレールである。光ヘッド104は、アクセス機構1 06によってレール107上をディスク15の半径方向に移動 することができる。光ヘッド104の内部には、コリメートレン 10 ズ10と、ミラー11と複合素子12がある。パッケージ41に 搭載されている半導体レーザチップ4aまたは4bから放射し たレーザビーム6aまたは6bは、レンズアクチュエータ105 のフォーカスレンズ13を介して光ヘッド104から放射され、 回転する光ディスク15に照射される。反射ビームは、再度フォ 15 ーカスレンズ13を介して光ヘッド104に入射し、一部はパッ ケージ41に搭載されている光検出素子7で受光され焦点ずれ 検出信号が得られる。また、一部はパッケージ41に搭載されて いる光検出素子8で受光されトラックずれ検出信号と情報再生 20 信号が得られる。

第 5 図により、本発明の原理を説明する。第 5 図の(a)と(b)は、第 1 図に示した本実施例による光ヘッドの光源からフォーカスレンズに至る光路で、レーザチップ取付け面 2 を含む方向の断面図で、半導体ミラー 5 やミラー 1 1、複合素子 1 2 を取り除いた実質的な断面図である。第 5 図(a)は、半導体レーザチップ4 a と 4 b が光軸 5 1 の方向に正確に向いて取付いている状態

を示す。3本の実線は半導体レーザチップ4aから出射してフォ ーカスレンズ13の入射瞳面52に至るレーザビーム6aを示 し、特に中央の実線53aは光強度が最も高い中心光線を示す。 また、3本の破線は半導体レーザチップ4bから出射したレーザ ビーム6 b を示し、特に中央の破線53 b は光強度が最も高い中 5 心光線を示す。半導体レーザチップ4 a は光軸51上にあるので、 中心光線53aはフォーカスレンズ13の中央に入射する。一方、 半導体レーザチップ4 b は光軸51外にあるので、中心光線53 bは光軸51と平行に進んでコリメートレンズ10を通過した 後、コリメートレンズ10の焦点距離に等しい位置で光軸51と 10 交わる。そこで、中心光線53bが光軸51と交わる位置にフォ ーカスレンズ13配置すると、両方のレーザビームについて最も 高い光利用効率が得られ、トラッキング制御のためフォーカスレ ンズをどの方向に移動させても光利用効率の変化は少ない。とこ ろが、レーザチップを取付ける角度精度は±1~2度程度である。 15 図5図(b)は、半導体レーザチップ4aが紙面上方向に θ a 度 傾いて取付いた場合の中心光線53aと、半導体レーザチップ4 b が紙面下方向に θ b 度傾いて取付いた場合の中心光線 5 3 b を示す。半導体レーザチップ 4 a の傾き角を θ a 、半導体レーザ 20 チップ4baの傾き角をθb、コリメートレンズの焦点距離をf c とすれば、フォーカスレンズ13の位置で、中心光線53aは 光軸51からfc×θa上方向に離れ、中心光線53bは光軸5 1 から f c * θ b 下方向に離れる。f c = 20 mm、 θ a = 2度、 θ b = 2 度、とすれば、中心光線 5 3 a と中心光線 5 3 b の間隔 は約1.4mmとなる。光ヘッド組み立て時にフォーカスレンズ 25 の中心位置が中心光線53aの位置になるように調整すれば、フ

オーカスレンズ13に入射するレーザビーム6aの光強度分布 は、図(c)の等高線54aのように中心対称になる。よって、 フォーカスレンズをどの方向に移動させても光利用効率は図 (e)の実線55aに示すように変化が少なく、トラッキング制 御実行時にも記録パワーの変化が少なく、安定な記録が達成でき 5 る。一方、フォーカスレンズ13の入射瞳径はφ4mm程度であ るから、レーザビーム6bの中心光線53bはフォーカスレンズ 13の中心から著しくずれ、レーザビーム6bの光強度分布は、 第5図(c)の等高線54bで示すように紙面上下方向に非対称 になる。もし仮に、トラッキング制御のため第5図(d)の紙面 10 上下方向にフォーカスレンズを移動すると、第5図(e)の破線 56に示すように、フォーカスレンズの移動に対して光利用効率 が非対称に変化し、記録パワーが変動するため安定な情報記録が 困難になる。本発明では、トラッキング制御方向14は第5図 (d)の紙面左右方向であるから、第5図(e)の実線55bに 15 示すように、フォーカスレンズの移動に対して光利用効率の変化 は少なく、記録パワーの変化が少なく安定な情報記録が達成でき る。

本発明の第2の実施例を、第6図から第9図を用いて説明する。 20 第6図は、本発明を用いた光ディスク装置および光ヘッドの基本 構成を示す。以下、第1の実施例と同じ番号の部品は同じ作用を するので、それらの部品についての作用の説明は省略する。61 は、表面に光検出素子や電子回路等を形成してレーザチップ等を 取付けた半導体基板である。第1図の半導体基板1と同様に、半 25 導体基板61は裏面をこちらに向けて配置されているので表面 は実際には見えないが、裏面から表面を透視して図示してある。

62はレーザチップ取付け面で、半導体基板61の表面と平行で ある。矢印63は、レーザチップ取付け面2の法線方向を示す。 第1の実施例と同様に、4aはDVD用の半導体レーザチップで、 4 b は C D - R 用の半導体レーザチップである。半導体レーザチ ップ4aと4bは、レーザチップ取付け面2に半田等で接着され 5 る。65は半導体ミラー面である。DVD用のレーザビーム66 aは、半導体レーザチップ4aから第6図の左方向(第6図中で は記録媒体の半径方向18の方向)に放射された後、半導体ミラ 一面65で反射され、コリメートレンズ10で平行光束になる。 また、CD用のレーザビーム66bも、半導体レーザチップ4b 10 から第6図の左方向(第6図中では記録媒体の半径方向18の方 向)に放射された後、半導体ミラー面65で反射され、コリメー トレンズ10で平行光束になる。67は焦点ずれ検出信号を得る ための光検出素子で、68はトラックずれ検出信号と情報再生信 号を得るための光検出素子で、69は半導体レーザチップ4aと 15 4 b の発光光量を監視するための光検出素子で、6 7 と 6 8 と 6 9はそれぞれ半導体基板61の表面に形成されている。71はミ ラーで、レーザビーム66aと66bを情報記録面に向けて反射 する。12は偏光性の4分割回折格子と4分の1波長板を張り合 わせて一体にした複合素子、13はフォーカスレンズ、15はD 20 VD用光ディスクやCD-R用光ディスクやCD用光ディスク、 16は光ディスク15の回転中心、点線の円17は情報を記録す るトラック、矢印18は光ディスク15の半径方向。14はトラ ッキング制御方向、をそれぞれ示し、それぞれ第1の実施例の複 25 合素子と同じ作用をする。本実施例において、トラッキング制御 方向14の投影像は、ミラー71と半導体ミラー65で反射され、

レーザチップ取付け面62の法線方向63と一致する。即ち、半 導体レーザチップ4aや4bを取付けるレーザチップ取付け面 62は、実質的にトラッキング制御方向14に垂直になっている。 第1の実施例と比べた第2実施例の特徴は、レーザビーム66a や66bがディスク半径方向18とは直交するディスク円周方 向からミラー71に入射すること、また、そのために半導体基板 61の配置を半導体基板1の配置から90度回転させ、半導体レ ーザチップ4aと半導体レーザチップ4bとが光ヘッドの厚み 方向(紙面の縦方向)に並んでいることである。これらの特徴は、 例えば、コリメートレンズ10とミラー71の間に別のミラーを 挿入し、レーザビーム66aや66bをディスク半径方向18か ら入射するように構成しても、同じである。

10

第7図(a)は、コリメートレンズ10側から見た半導体基板 6 1 の表面を示す。7 2 a で示す 8 つの黒塗りの 4 分の 1 円は複 合素子12の回折格子で分離された波長1aのレーザビームを 15 示し、7 2 b で示す 8 つの塗りつぶさない 4 分の 1 円 は複合素子 12の回折格子で分離された波長 λbのレーザビームを示す。6 7 は焦点ずれ検出信号を得るための光検出素子で、波長 λ a のレ ーザビーム72αと波長λbのレーザビーム72bを受光する。 焦点ずれ検出方法は、第1の実施例と同じく4分割ビームによる 20 ナイフエッジ方法(フーコー方法)を用い、第7図に示したごと くアルミニューム等の導電性薄膜73で結線すれば、ヤイヤーボ ンディング用パット74のA端子とB端子から差動用の信号が 得られる。 第 6 図 の 6 8 で示した トラック ずれ 検 出信 号と情報 再 生信号を得るための光検出素子は、詳細には68aと68bとで 25 構成される。68 a はレーザビーム72 a を受光する4 つの光検

出素子で、68bはレーザビーム72bを受光する4つの光検出素子で、光検出素子68aと68bの出力信号は半導体基板上に形成したアンプ75に入力される。アンプ75は、半導体レーザチップ4aが発光している場合は光検出素子68aの信号をパット74のD端子とE端子とF端子とG端子に出力し、半導体レーザチップ4bが発光している場合は光検出素子68bの信号をパット74のD端子とE端子とF端子とG端子に出力する。本実施例の光検出素子67は、異なる波長のビームで光検出素子を共通化でき、また、本実施例の光検出素子68とアンプ75は、異なる波長のビームでアンプを共通化でき、半導体基板1の表面を節約できるばかりか、ヤイヤーボンディング用パットや出力線の数を低減できるので、半導体基板1を収納するパッケージの小型化にも効果がある。

10

第7図(b)は、第7図(a)の点線AA,位置における半導 体基板61の断面構造を示す。半導体ミラー65はレーザチップ 取付け面62に対して45度の角度で形成するのが好適である が、第1の実施例で説明したように、半導体ミラー65が45度 からずれ、レーザビーム66aや66bの出射方向が半導体基板 61の垂直方向からずれる場合がある。

第8図(a)は、半導体基板61を収納したパッケージ81の構造を示し、(b)は破線BB,における断面図である。82はリード線で半導体基板61のパット74とボンディングヤイヤーで接続される。半導体基板61を取付ける台座83面は、レーザビーム66aや66bの出射方向がパッケージ81の硝子カバー84に対して垂直方向となるように傾けてある。第1の実施例の説明でも述べたとおり、出射するレーザビームは硝子カバー

84に対して垂直でなくても、照射されるべき光ディスクに実質的に垂直に照射されるような光路と平行となるように構成されればよい。84は半導体基板61を密閉するための硝子カバーで、硝子カバー84の内側にはレーザビーム66aや66bの外周部分を反射するための反射面85だ設けてある。反射面85による反射ビームを半導体基板61の光検出素子69で受光し、半導体レーザチップ4aと4bの発光光量を監視するための信号を得る。

5

第11図は、本発明の第2の実施例を用いた光ディスク装置の 構造を示し、(a)は上面図、(b)は側面図である。111は 10 光ディスク装置の筐体である。102はモーターで、光ディスク 装置の筐体111に取付けられていて、シャフト103を介して 光ディスク15を回転させる。114は光ヘッドを示し、半導体 基板61を収納したパッケージ81とフォーカスレンズ13が 取り付いたレンズアクチュエータ115が取付けられている。1 15 06は光ヘッド114に取付けられたアクセス機構、107は光 ディスク装置の筐体111に取付けられているレールである。光 ヘッド114は、アクセス機構106によってレール107上を ディスク15の半径方向に移動することができる。光ヘッド11 4の内部には、コリメートレンズ10と、ミラー71と複合素子 20 12がある。パッケージ81に搭載されている半導体レーザチッ プ4aまたは4bから放射したレーザビーム66aまたは66 bは、レンズアクチュエータ115のフォーカスレンズ13を介 して光ヘッド114から放射され、回転する光ディスク15に照 射される。反射ビームは、再度フォーカスレンズ13を介して光 25 ヘッド114に入射し、一部はパッケージ81に搭載されている

光検出素子67で受光され焦点ずれ検出信号が得られる。また、一部はパッケージ81に搭載されている光検出素子68で受光されトラックずれ検出信号と情報再生信号が得られる。

第9図は、本実施例に用いたレンズアクチュエータの構造を示 す。(a)は光ディスク15の方向から見た上面図である。91 5 はレンズホルダーで、フォーカスレンズ13とコイル94が取付 けられていて、バネ92で保持台93に保持されている。バネ9 2の横には磁石95があり、磁石95と保持台93は光ヘッド筐 体に固定されている。コイル94に電流を流すと、コイル94と 磁石95の間で発生する電磁気力により、レンズホルダー91が 10 紙面縦方向に移動し、トラッキング制御を行うことができる。こ のようなレンズアクチュエータでは、一般的にフォーカスレンズ 13から保持台93の方向に寸法が長くなる。一方、第1図や第 6 図において、光ディスク15の回転中心16の下には光ディス 15 ク15を回転するために図には示さないモーター等があるので、 光ヘッドが光ディスク15の内週方向に移動することを考慮し て、第9図(a)の紙面上方向に光ディスク15の回転中心16 がくるようにレンズアクチュエータを配置している。

第9図の(b)は、レンズアクチュエータを横方向から見た側 20 面の断面図である。実線97は、磁石95や保持台93等を固定 する光ヘッド筐体の表面を示す。レンズホルダー91は、軽くし かもフォーカスレンズ13を保持する部分の剛性を高めるため に、箱型の構造をしている。特に剛性を高めるために横板部分9 6は必須である。レーザビーム66aや66bを、第9図の(a) 25 および(b)の紙面右方向、即ちディスク半径方向18とは直交 するディスク円周方向から入射させ、ミラー71で反射させる構

10

15

20

成としている。よって、この第2の実施例では、第1の実施例に 比べて、光ヘッドや光ディスク装置を薄型にすることができる。

第6図に示した本実施例においても、トラッキング制御方向14はレーザチップ取付け面62の法線方向63と実質的に一致するので、第5図(e)で示しめしたように、フォーカスレンズの移動方向に対して光利用効率の変化が少なく、記録パワーが減少し安定な情報記録が達成できる。

以上述べたように、本発明によれば、複数のレーザ光源を用いて光学的情報媒体に情報を記録しまたは情報を再生するためのレーザモジュール、そのレーザモジュールを有する光ヘッド、またはその光ヘッドを搭載した光学的情報記録再生装置において、半導体レーザチップを取り付ける場合に生じる角度ずれやトラッキング制御のためのフォーカスレンズ移動に対して、それぞれのレーザビームの光利用効率の低下や変化が少ないレーザモジュール、光ヘッド、または光学的情報記録再生装置を実現することができる。

産業の利用可能性

以上のように、本発明に係るレーザモジュールは、光ヘッド、または 光学的情報記録再生装置は、複数の異なる波長のレーザを有する光源に 有用であり、この光源をモジュール化し、モジュール化された光源を高 い精度で組み込んだ光ヘッド、またこの光ヘッドを用いて複数波長のど ちらででも情報を記録再生する装置を提供することが可能となる。

請 求 の 範 囲

PCT/JP99/04206

- 1. 光学的情報媒体の装着部と、複数の半導体レーザチップが面上に取り付けられた光源と、上記装着部に光学的情報媒体が装着れた時に、該レーザチップの各々から放射される複数のレーザービームの各々を上記光学的情報媒体上に光スポットとして集束する光学的集束手段と、該光スポットが該光学的情報媒体のトラックを正しく走査するように該光学的集束手段をトラック方向とは垂直なトラッキング制御方向に移動させるトラッキング制御手段と、を有し、該複数の半導体レーザチップを取り付けられた面は、上記トラッキング制御方向とは実質的に垂直であることを特徴とする光学的情報記録再生装置。
- 2.請求の範囲第1項において、該複数の半導体レーザチップの各々から放射したレーザービームを反射する第1の反射面と、該第1 の反射面からのレーザービームを該光学的集束手段に導く第2 の反射面を有し、該第1の反射面が該レーザチップ取付け面と同一の基板に形成されている、ことを特徴とする光学的情報記録再生装置。
- 3.請求の範囲第2項において、該第1の反射面からのレーザー 20 ビームを該トラッキング制御方向から該第2の反射面に入射させるとともに、該複数の半導体レーザチップが、該光学的情報媒体面と平行な面内方向に並んで配置されている、ことを特徴とする光学的情報記録再生装置。
- 4.請求の範囲第2項において、該第1の反射面からのレーザー 25 ビームを該トラック方向から該第2の反射面に入射させるとと もに、該複数の半導体レーザチップが、該光学的情報媒体面と垂

20

25

直な方向に並んで配置されている、ことを特徴とする光学的情報 記録再生装置。

- 5.請求の範囲第1項において、上記レーザチップが取り付けられた面上には、該レーザチップの各々から放射される複数のレーザービームの各々を受光する光検出素子が設けられていることを特徴とする光学的情報記録再生装置。
- 6. 光学的情報媒体上に光スポットを照射する際に、トラッキング制御を行い、情報の記録及び再生を行う光学的情報記録再生装置に用いられる光ヘッドであって、複数波長の半導体レーザチップの各々が面上に取り付けられた光源と、該レーザチップの各々から放射される複数のレーザービームの各々を上記光学的情報媒体上に光スポットとして集束する光学的集束手段とを有し、該複数の半導体レーザチップを取り付けられた面は、上記トラッキング制御方向とは実質的に垂直であることを特徴とする光ヘッ15 ド。
 - 7.請求の範囲第6項において、該複数の半導体レーザチップの各々から放射したレーザービームを反射する第1の反射面と、該第1の反射面からのレーザービームを該光学的集束手段に導く第2の反射面を有し、該第1の反射面が該レーザチップ取付け面と同一の基板に形成されている、ことを特徴とする光ヘッド。
 - 8. 請求の範囲第7項において、該第1の反射面からのレーザービームを該トラッキング制御方向から該第2の反射面に入射させるとともに、該複数の半導体レーザチップが、該光学的情報媒体面と平行な面内方向に並んで配置されている、ことを特徴とする光学的情報記録再生装置。
 - 9. 請求の範囲第7項において、該第1の反射面からのレーザー

ビームを該トラック方向から該第2の反射面に入射させるとともに、該複数の半導体レーザチップが、該光学的情報媒体面と垂直な方向に並んで配置されている、ことを特徴とする光ヘッド。10.請求の範囲第6項において、上記レーザチップが取り付けられた面上には、該レーザチップの各々から放射される複数のレーザービームの各々を受光する光検出素子が設けられていることを特徴とする光学的情報記録再生装置。

5

11. 光学的情報媒体上に光スポットを照射する際に、トラッキ ング制御を行い情報の記録及び再生を行う光学的情報記録再生 装置を構成する上記光学的情報媒体上に光スポットとして集束 10 する光学的集束手段とを有する光ヘッド、に用いられるレーザモ ジュールであって、複数波長の半導体レーザチップの各々が面上 に取り付けられた光源と、該レーザチップの各々から放射される 複数のレーザービームの各々を受光する光検出素子と、上記光源 と上記光検出素子とを収納するパッケージを有し、該複数の半導 15 体レーザチップを取り付けられた面は、上記トラッキング制御方 向とは実質的に垂直であることを特徴とするレーザモジュール。 12. 半導体基板と、該半導体基板に設けられたレーザチップ取 付け面と、該レーザチップ取付け面に取付けられた複数の半導体 レーザチップと、複数の半導体レーザチップから放射したレーザ 20 ビームを反射する該半導体基板に設けられた反射面と、複数の半 導体レーザチップから放射したレーザビームを受光する該半導 体基板に設けられた光検出素子と、からなるレーザモジュールに おいて、該複数の半導体レーザチップが並ぶ方向における該複数 の半導体レーザチップの両側に該光検出素子が配置されている、 25 ことを特徴とするレーザモジュール。

13.請求の範囲の請求項12において、該レーザモジュールは該半導体基板を収納するパッケージを有し、該パッケージはレーザビームが該パッケージから放射される方向とは垂直な面内における外形が長い方向と短い方向を区別できる程度の概略矩形形状であって、該複数の半導体レーザチップおよび該光検出素子は該パッケージの短い方向に並ぶように配置されている、ことを特徴とするレーザモジュール。

5

10

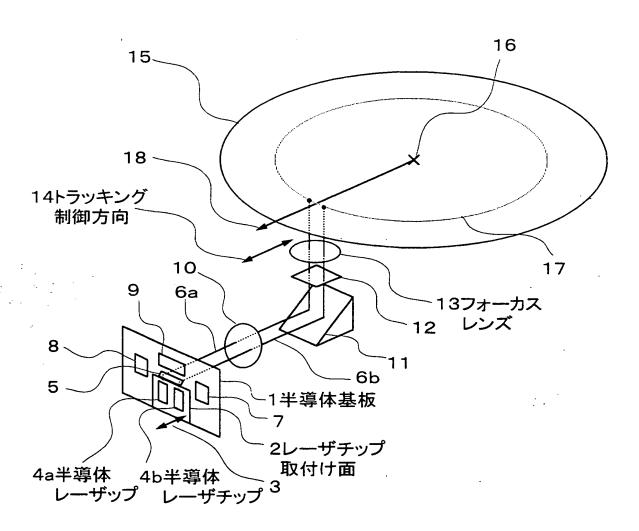
15

14. 半導体基板と、該半導体基板に設けられたレーザチップ取付け面と、該レーザチップ取付け面に取付けられた複数の半導体レーザチップと、複数の半導体レーザチップから放射したレーザビームを反射する該半導体基板に設けられた反射面と、複数の半導体レーザチップから放射したレーザビームを受光する該半導体基板に設けられた光検出素子と、からなるレーザモジュールにおいて、該半導体基板は外部の電子回路と電気的に接続するための複数のパッドを有し、該複数のパッドは、該複数の半導体レーザチップが並ぶ方向に平行な該半導体基板の辺に沿って配置されている、ことを特徴とするレーザモジュール。

15.請求の範囲の請求項14において、該レーザモジュールは 該半導体基板を収納するパッケージと外部の電子回路と電気的 20 に接続するための複数のリードを有し、該パッケージはレーザビ ームが該パッケージから放射される方向とは垂直な面内におけ る外形が長い方向と短い方向を区別できる程度の概略矩形形状 であって、該複数のリード線は該パッケージの短い辺に沿って配 置されている、ことを特徴とするレーザモジュール。

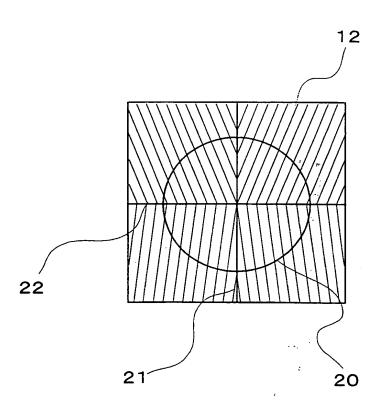
THIS PAGE BLANK (USPTO)

第1図



This Page Blank (uspto)

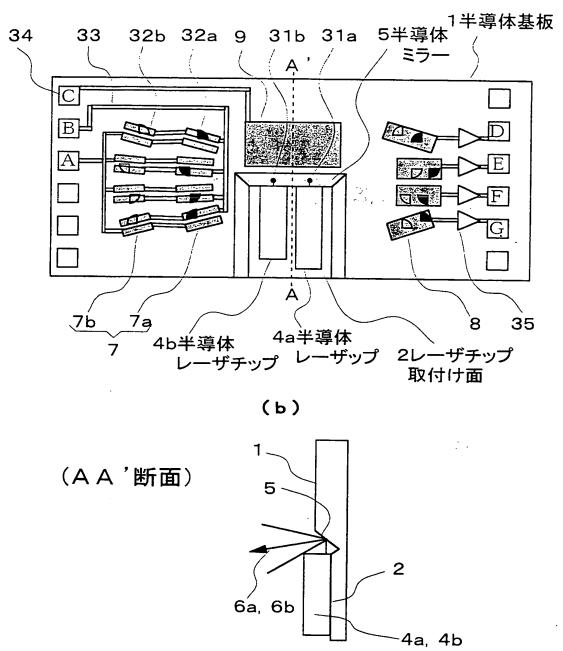
第2図



(itis bage Blank (uspto)

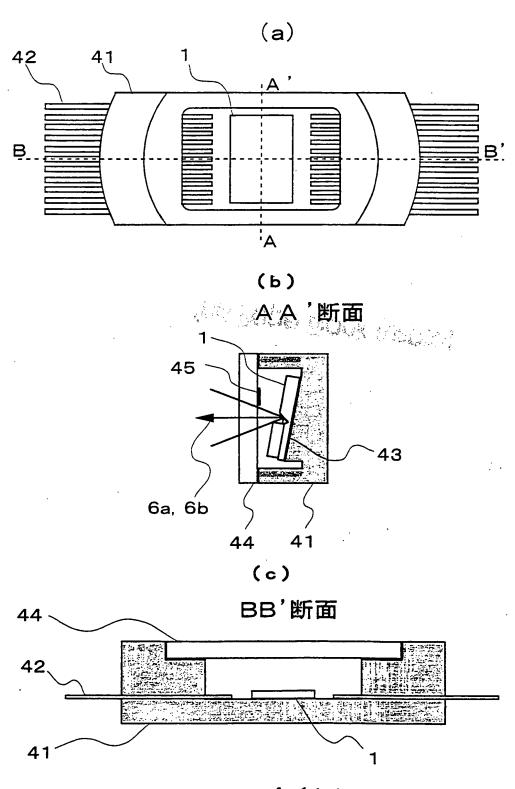
第3図

(a)



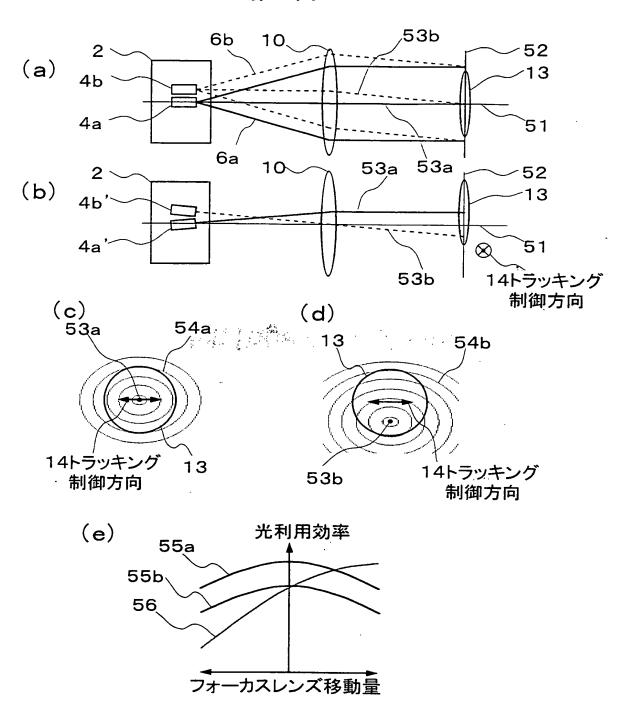
3/11

第4図



4/11

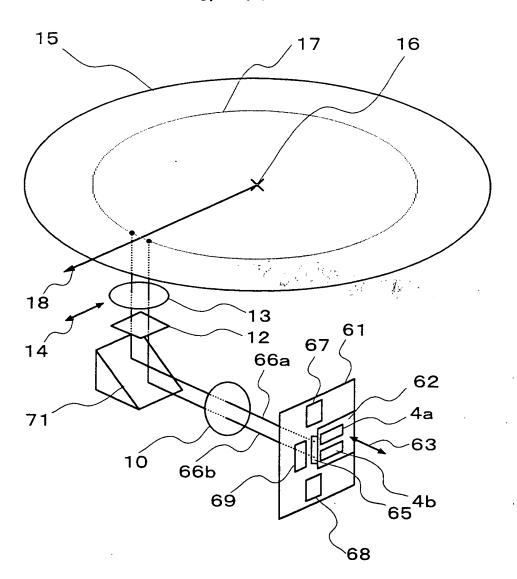
第5図



5/11

(otqsu) Anala əgaq sidī

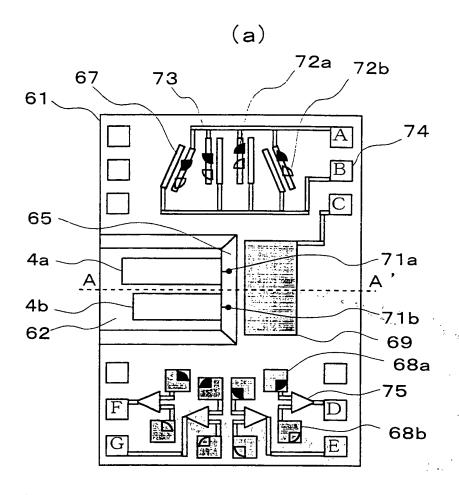
第6図

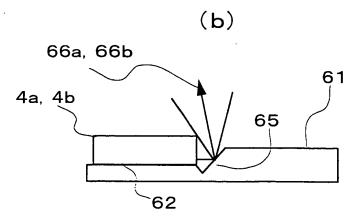


(oigeu) Anus -e-.

(otqsu) Anola elank (uspto)

第7図



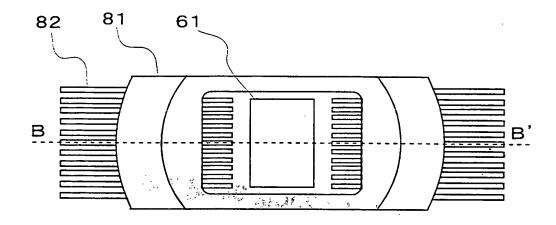


7/11

This Page Blank (usp. 1)

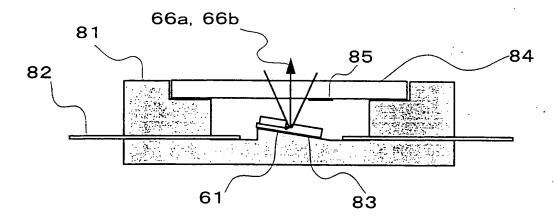
第8図

(a)

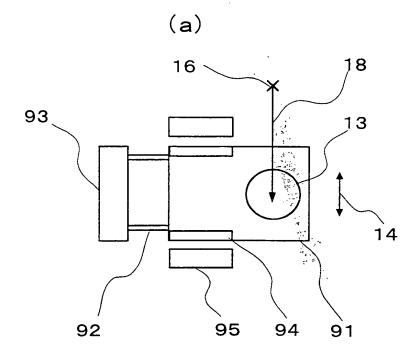


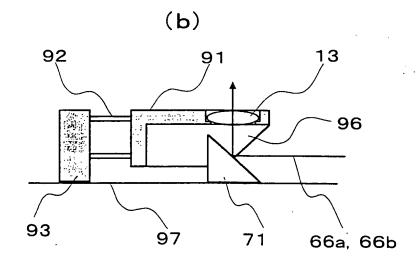
(b)

BB'断面

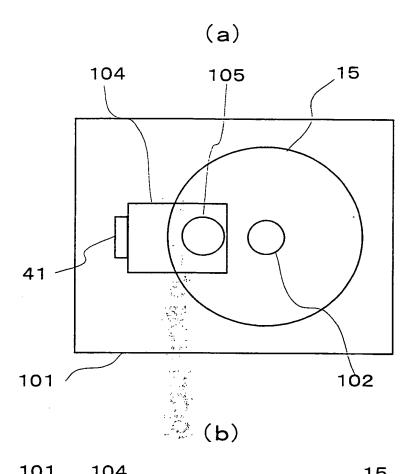


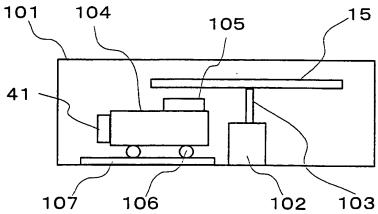
第9図





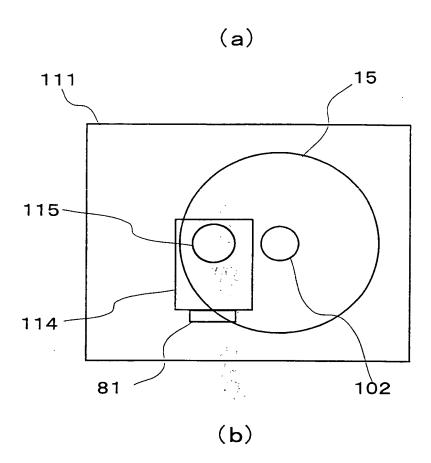
第10図

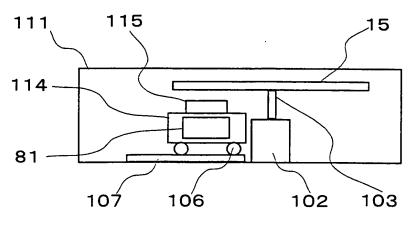




10/11

第11図





11/11

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP99/04206

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl⁶ G11B7/125, 7/09, 7/135, H01S3/18, 612, H01S3/18, 650 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl⁶ Gl1B7/08-7/22, H01S6/18, 612, 3/18, 650 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 1994-1999 Jitsuyo Shinan Koho Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) ECLA, esp@cenet C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages JP, 10-21577, A (Seiko Epson Corp.), 1-15 23 January, 1998 (23. 01. 98) (Family: none) Par. Nos. [0020] to [0026]; Figs. 1 to 4 JP, 10-27374, A (Sankyo Seiki Mfg.Co., Ltd.), Y 1, 5, 6, 7, 27 January, 1998 (27. 01. 98), 10-12, 14, 15 Par. Nos. [0015] to [0020], [0060]; Figs. 1, 9 (Family: none) Y JP, 4-123343, A (Canon Inc.), 3,8 23 April, 1992 (23. 04. 92), Fig. 5 (Family: none) JP, 10-124907, A (Ricoh Co., Ltd.), 15 May, 1998 (15. 05. 98), Y Fig. 3 (Family: none) JP, 10-213723, A (Kyocera Corp.), 14, 15 Y 11 August, 1998 (11. 08. 98), Par. Nos. [0014] to [0018]; Fig. 2 (Family: none) See patent family annex. Further documents are listed in the continuation of Box C. later document published after the international filing date or priority Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention considered to be of particular relevance document of particular relevance; the claimed invention cannot be earlier document but published on or after the international filing date considered novel or cannot be considered to involve an inventive step document which may throw doubts on priority claim(s) or which is when the document is taken alone cited to establish the publication date of another citation or other document of particular relevance; the claimed invention cannot be special reason (as specified) "O" considered to involve an inventive step when the document is document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such combination means being obvious to a person skilled in the art document published prior to the international filing date but later than document member of the same patent family the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 9 November, 1999 (09. 11. 99) 22 October, 1999 (22. 10. 99) Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer Japanese Patent Office

Telephone No.

Facsimile No.



International application No. PCT/JP99/04206

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages EP, 810589, A2 (SONY CORPORATION), 22 May, 1997 (22. 05. 97) & JP, 9-320098, A	Relevant to claim No

I .	国際調査報告	国際出願番号P	CT/JP99/	04206
Int. Cl ⁶ G	分類(国際特許分類(IPC)) 11B7/125, 7/09, 01S3/18,612, H0			
Int. Cl ⁶ G	国際特許分類(I PC)) 11B7/08-7/22 01S6/18,612、 3/	18,650		
日本国公開実用新案公	1926-1996 公報 1996-1999	年 年		
国際調査で使用した電子デ ECLA、esp@	ータベース(データベースの名称、 cenet	調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められ 引用文献の				関連する
Y JP, 1 1月, 1	献名 及び一部の箇所が関連すると 0-21577, A (セイニ 998 (23, 01, 98) 6段、図1~4			情求の範囲の番号 1 ~ 1 5
27, 1	0-27374, A (株式会月, 1998 (27, 01, 0段、60段、図1, 図9	98)		1, 5, 6, 7, 10- 2, 14, 15
Y JP, 4 23, 4	-123343, A (キヤノ 月, 1992 (23, 04,	ノン株式会社) 92)第5図 (ファミリーなし)		3, 8
区 個の続きにも文献が	列挙されている。	パテントファミリ	一に関する別紙	を参照。
もの 「E」先行文献ではあるがのの 「L」優先権主張に疑義を 日若しくは他の特別 文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使 「P」国際出願日前で、か	ではなく、一般的技術水準を示す 、国際出願日以後に公表されたも 提起する文献又は他の文献の発行 な理由を確立するために引用する 開、展示等に言及する文献 の優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表さ 「T」国際出版日又は優 て出願と矛盾する 論の理解のために 「X」特に関連のある文 の新規性又ある進歩 「Y」特に関連のあののが 上の文献とのががよって進歩トファ	先日後に公表される。 ものでするもの、当 献でがないと考、自 性がであってと考、自 はでであって、 はでであって、 はであって、 はであって、 はいまれる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 はいる。 はいまる。 はいな。 はいまる。 はいな。 はいる。 はいる。 はいる。 はいる。 はいる。 はいる。 はいる。 はいる。 は、 は、 は、	発明の原理又は理 亥文献のみで発明 られるもの 亥文献と他の1以 月である組合せに
国際調査を完了した日	22.10.99	国際調査報告の発送日	0 9.11.9	9
国際調査機関の名称及びあ 日本国特許庁 (I 郵便番号10		特許庁審査官(権限のあ 山 田 洋	る職員) 印	5Q 7811
	が関三丁目4番3号	電話番号 03-358	1-1101 F	内線 3590

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/04206

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 10-124907, A (株式会社リコー) 15, 5月, 1998 (15, 05, 98) 図3 (ファミリーなし)	4, 9
Y	JP, 10-213723, A (京セラ株式会社) 11, 8月, 1998 (11, 08, 98) 14段~18段、図2 (ファミリーなし)	14,15
A	EP, 810589, A2 (SONY CORPORATION)22, 5月,1997, (22,05,97) & JP, 9-320098, A	5, 7, 10–13

Translation OP 913912 INTER

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

RECEIVED

JAN 0 2 2002

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORE thoology Center 2600

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 319901605971	FOR FURTHER ACTION		tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/JP99/04206	International filing date (day 04 August 1999 (04	- ·	Priority date (day/month/year)
International Patent Classification (IPC) or n G11B 7/125, 7/09, 7/135, H01S			
Applicant	HITACHI, LT	D.	
This international preliminary examinated and is transmitted to the applicant action.		ed by this Interr	national Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of	6 sheets, include	ling this cover s	heet.
been amended and are the base		containing red	iption, claims and/or drawings which have ctifications made before this Authority (see CT).
These annexes consist of a to	stal of sheets.		
3. This report contains indications rela	ting to the following items:	•	
I Basis of the report			
II Priority			
III Non-establishment o	of opinion with regard to nove	lty, inventive st	ep and industrial applicability
IV Lack of unity of invo	ention		
V Reasoned statement citations and explana	under Article 35(2) with regarations supporting such statemen	rd to novelty, in	ventive step or industrial applicability;
VI Certain documents of	cited		
VII Certain defects in th	e international application		
VIII Certain observations	s on the international applicati	on	
Date of submission of the demand	Date	of completion of	of this report
		•	·
01 October 1999 (01.1	0.99)	08 A	August 2000 (08.08.2000)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Auth	orized officer	
Facsimile No.	Teler	hone No.	

11/2 bage Blank (uspto)

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP99/04206

I. Basis of the report	
1. With regard to the elements of	f the international application:*
the international application	ation as originally filed
the description:	
pages	, as originally filed
nogas	, filed with the demand
	, filed with the letter of
the claims:	
nages	as originally filed
	, as amended (together with any statement under Article 19
	, filed with the demand , filed with the demand
l —	, fried with the letter of
the drawings:	
	, as originally filed
pages	, filed with the demand
pages	, filed with the letter of
the sequence listing part of	of the description:
pages	, as originally filed
1	, filed with the demand
1	, filed with the letter of
the international application were available the language of a transl the language of publica the language of the tra or 55.3). 3. With regard to any nucleous preliminary examination was a contained in the international filed together with the international application.	all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which was filed, unless otherwise indicated under this item. or furnished to this Authority in the following language
the description, the claims, Nos.	resulted in the cancellation of: pages eets/fig
beyond the disclosure as	ablished as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go s filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
in this report as "originally and 70.17).	be been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16
** Any replacement sheet contain	ning such amendments must be referred to under item I and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/JP 99/04206

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-11, 14-15	YES
	Claims	12, 13	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-15	NO
Industrial applicability (IA)	Claims _	1-15	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

- Document 1: JP, 10-21577, A (Seiko Epson Corp.), 23

 January 1998 (23.01.98), paragraphs 20-26,

 Fig. 1-4 (Family: none)
- Document 2: JP, 10-27374, A (Sankyo Seiki Mfg. Co., Ltd.), 27 January 1998 (27.01.98), paragraphs 15-20, paragraph 60, Fig. 1, Fig. 9 (Family: none)
- Document 3: JP, 4-123343, A (Canon Inc.), 23 April 1992 (23.04.92), Fig. 5 (Family: none)
- Document 4: JP, 10-124907, A (Ricoh Co., Ltd.), 15 May 1998 (15.05.98), Fig. 3 (Family: none)
- Document 5: JP, 10-213723, A (Kyocera Corp.), 11 August 1998 (11.08.98), paragraphs 14-18, Fig. 2 (Family: none)

(Documents 1 to 5 listed above were cited in the international search report.)

Document 1 discloses the composition of a laser module having a semiconductor substrate, laser chip attachment face, multiple semiconductor laser chips attached to said attachment face, and light-sensitive elements positioned on both sides in the direction said laser chips are aligned; an optical head that uses the

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

laser module; and an optical memory device corresponding to an optical information recording and playback device. Neither does the direction in which laser chip and light-sensitive elements are aligned, as described in Document 1, differ significantly. Therefore, the laser module described in Claims 12 and 13 is not novel and does not involve an inventive step.

None of the other claims are disclosed in any of the above documents; therefore, all other claims are novel.

The inventions disclosed in Document 2 include examples wherein by tracing the laser pathway it is clear that the attachment face to which the semiconductor laser chip is attached is substantially vertical to the tracking control direction, and this feature can be applied to the attachment face to which multiple chips are attached as disclosed in Document 1. Therefore, Claims 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, and 15 do not involve an inventive step in the light of Documents 1 and 2.

Document 3 indicates that a laser beam is emitted from the tracking control direction so as to be incident upon a prism (25) having a reflective surface, which clearly corresponds to the second reflective surface of this application. Therefore, the invention to which Claims 3 and 8 pertain does not involve an inventive step in the light of Documents 1, 2, and 3. Similarly, Document 4 discloses the entry of a laser beam emitted from the tracking direction. Therefore, the inventions to which Claims 4 and 9 pertain do not involve an inventive step in the light of Documents 1, 2, and 4.

Document 5 discloses a feature wherein a pad and lead wire are positioned along the edge of the substrate in an optical semiconductor module. It also discloses an

PCT/JP 99/04206

example wherein the lead wire is positioned along the short side of the substrate. Semiconductor laser modules are clearly opto-electronic components similar to optical semiconductor modules, and therefore, a person skilled in the art would easily conceive of applying a semiconductor laser module to the inventions disclosed in Documents 1 and 2. Therefore, the inventions to which Claims 14 and 15 pertain do not involve an inventive step in the light of Documents 1, 2, and 5.

The inventions described in Claims 1 to 15 pertain to an optical information recording and playback device, an optical head, and a laser module, and are therefore industrially applicable.

International application No. PCT/JP 99/04206

in an optical semiconductor module. It also discloses an example wherein the lead wire is positioned along the short side of the substrate. Semiconductor laser modules are clearly opto-electronic components similar to optical semiconductor modules, and therefore, a person skilled in the art would easily conceive of applying a semiconductor laser module to the inventions disclosed in Documents 1 and 2. Therefore, the inventions to which Claims 14 and 15 pertain do not involve an inventive step in the light of Documents 1, 2, and 5.

The inventions described in Claims 1 to 15 pertain to an optical information recording and playback device, an optical head, and a laser module, and are therefore industrially applicable.



JP1070936

Biblio





TWO-BEAM OPTICAL HEAD

Patent Number:

JP1070936

Publication date:

1989-03-16

Inventor(s):

NAKAMURA SHIGERU; others: 03

Applicant(s)::

HITACHI LTD

Requested Patent:

JP1070936

Application Number: JP19870226339 19870911

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B7/135

EC Classification:

Equivalents:

JP2765839B2

Abstract

PURPOSE:To obtain a thin type two-beam optical head capable of simultaneous erasing, recording and reproducing, by providing two spots by two semiconductor laser beams having a different wavelength and the special separately means of the reflecting beam. CONSTITUTION:Laser chips 11 and 12 independently radiate laser beams for recording a comparatively long wavelength and for reproducing a short wavelength respectively and are contracted through a collimator lens 13, a 1/2 wavelength plate 14, a beam splitter 15, a mirror 16 and a focus range 17 to a track on a disk 18 as a spot 21 for recording and a spot 22 for reproducing. A reflecting beam is reversely proceeded, enters a wavelength passes, passes through lenses 24 and 25, enters a focus dislocation and track dislocation detecting optical system composed of a knife edge 26 and a division type light detector 27, a short wavelength is reflected and introduced to a magnet optical signal detecting optical system composed of an analyzer 28 and a photodetector 29.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

10日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

四公開特許公報(A) 昭64-70936

@Int,CI,4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和64年(1989)3月16日

G 11 B 7/135

Z - 7247 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

2ビーム光ヘツド 図発明の名称

> 頤 昭62-226339 @特

願 昭62(1987)9月11日 23出

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 滋 砂発 明 者 中 村 作所中央研究所内

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 志 武 79発 明 前 田 作所中央研究所内

東京都国分寺市東郊ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 猛 砂発 明 者 加 作所中央研究所内

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 冒 眀 @発

作所中央研究所内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 ⑪出 願 人

外1名 弁理士 小川 勝男 20代 理 人

1. 発明の名称 2ビーム光ヘッド

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 第1のレーザビームを放射する第1の半導体 レーザチップと第2のレーザビームを放射する 第2の半導体レーザチップと前記第1のレーザ ビームと前記第2のレーザビームをほぼ何一の 光路を通過させて情報媒体面上に第1のスポッ トと第2のスポットを結像させる結像手段を有 する光ヘッドにおいて、前記第1のスポットと 前記第2のスポットとの間隔が40μmより小 さいことを特徴とする2ピーム光ヘッド。
 - 2. 前記第1のスポットと前記第2のスポットと の間隔が20μm以下であることを特徴とする 特許請求の範囲第1項に記載の2ビーム光へッ
 - 3. 前記第1及び第2のレーザビームと前記情報 批体からの反射ビームを分離する分離手段と前 記第1及び第2の半導体レーザチップとの間、

偏光回転手段をもうけたことを特徴とする特許 請求の範囲第1項又は第2項に記載の2ピーム 光ヘッド.

- 4. 前記第1のレーザビームの波及と前記第2の レーザピームの波長が異なることを特徴とする 特許請求の範囲第1項,第2項又は第3項に記 載した 2 ビーム光ヘッド・
- 3. 発明の詳細な説明

〔商業上の利用分野〕

本発明は光ディスク装置などの光ヘッドに係り. 特に2つの半導体レーザを光源に用いて消去・記 緑・再生を同時に行なうことが可能な2ピーム光 ヘッドに関する。

〔従来の技術〕

光ディスク装置は、大容量・非接触・高速アク セスという特徴を生してデータファイル装置に用 いられているが、1つのビームを用いた光ヘッド では、通常データの消去・消録・再生などをそれ ぞれディスク1回転毎に行なっており、ディスク 回転待ち時間が長いという欠点があった。そこで、 複数のビームを用いて、消去と記録あるいは記録 と再生を同時に行なうことが可能な光ヘッドが提 寒されている。例えば、特開昭 6 I ー

196446に記載されている光磁気ディスク用の光ヘッドでは、3個のレーザダイオードを1チップ上に形成したモノリシック型半導体レーザアレイから放射される3つのレーザビームを、コリメートレンズとフォーカスレンズで絞り込み、ディスク面上に消去用・記録用・再生用の3つのスポットを作成し、消去・記録・再生を同時に行なう。

上記従来例の光ヘッドに用いているモノリシック型半導体レーザアレイのレーザダイオード間隔は、例えば、第47回応用物理学会学術請演会静浪予稿集、27p-T-10、p・159

(1986)、及び、同予稿集、27p-T-11、p.159 (1986) に記載されている ように、通常100µmが最小限界である。レー ザダイオード間隔を100µm以下にすると、上 記予稿集に記載されているように、レーザダイオ

W ≈ a · θ

であるから、偏心量Wによって生じるトラックず

ード間の熱的干渉が生じるため、レーザダイオー ドを独立に変調させることが困難になる。

一方、ディスク面上のスポット間隔をは、レーザダイオード間隔をと、コリメートレンズの関ロ数NA。と、フォーカスレンズの関ロ数NA。から決定され、

$$\varrho = d \cdot \frac{N A c}{N A r}$$

となる。半導体レーザから出射するビームを有効に集めて、記録や消去を達成する為には、NAcが例えば 0.2 以上のコリメートレンズが通常よく用いられている。また、記録用の光ヘッドではNAsが例えば 0.5 のフォーカスレンズがよく用いられている。そこで、モノリシック型半導体レーザアレイを用いた上記従来例のような光ヘッドでは、d \geq 100 μ m、NAc \geq 0.2、NAs = 0.5 から、スポット間隔 2 は 4 0 μ m 以上になる。

(発明が解決しようとする問題点)

れ母ΔTRは、

$$\Delta TR \approx \frac{a \cdot W}{A}$$

しかし、記録ピットの中心位置を2値化された記録データの『1』に対応させるピットセンター記録方式では、一般にトラックずれ許容値は 0.13μm以下である。トラックずれが0.13μm以上になると、再生信号の減少と、となりのトラックに記録されているピットによるクロストークの増加によって、再生時のエラーレートが増加し実用的でない。トラックずれを0.13μm

以下にするためには、2つのスポット間隔は40 μm以下にする必要があるため、モノリシック型 半逐体レーザを用いた2ビーム光ヘッドでは困難 である、という問題がある。

さらに、記録ピットのエッジ位置を 2 値化された記録データの『1』に対応させるピットエッジ記録方式では、記録密度は 2 倍になるが、トラックずれ許容値は約半分の 0・0 7 μ m 程度以下である。トラックずれが 0・0 7 μ m 以上になると、再生信号の位相ずれが大きくなり、再生時のエラーレートが増加し、実用的でない。トラックずれを 0・0 7 μ m 以下にするためには、 2 つのスポット III 隔は約 2 0 μ m 以下にする必要があり、モノリシック型半導体レーザを用いた 2 ピーム光へッドでは、さらに困難である、という問題がある。また、検出光学系において 2 つのピームを分離する場合、凸レンズで採取させて空間的に分離す

プリズムなどを用いて、簡単に分離が可能である。 しかし、モノリシック型半導体レーザアレイにおいて、波長の異なるレーザダイオードを作成する ためには、同一基板で異なるプロセスを導入する 必要があり、実際上困難である、という問題があ

本発明の目的は、ディスク面上の2つのスポット間隔を40μm以下、さらには20μm以下にすることができる2ビーム光ヘッドを提供することにある。さらに、2つのビームの分離が容易で、稼型化が可能な2ビーム光ヘッドを提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

上記目的は、独立した2つの半導体レーザチップを光波に用い、例えば、2つの半導体レーザチップを対向させて配置し、2つの半導体レーザチップから放射される2つのレーザビームを、同一のレンズ系によって、ディスク西上に2つのスポットとして結像させる。さらに、2つの半導体レーザチップに液長の異なるものを用い、また、レ

ーザチップとビームスプリッタの間に 2 分の 1 波 最振を配設する。

るなどの手段が知られているが、レーザ発光点間

隔が近くなると、分離が困難になる。このような

場合、2つのビームの波長が異なれば、波長分離

(作用)

2つの独立した半導体レーザチップは互いに無的干渉がなく、独立に変調することができる。各々の半導体レーザチップは、一方の競極面が設けられたチップ片面から約5μm離れた位置から発光する。よって、例えば、2つの半導体レーザチップを対向させて配置することにより、2つの発光点間隔を約10μmまで近づけることがのNAcをを0.5、コリメートレンズのNAcを 0.2、2つの半導体レーザの発光点間隔すを10μmとすれば、ディスク面上のスポット間隔するに20μm以下を充分速成することができる。

また、波長の異なる半薄体レーザチップを用いると、波長分離プリズムなどによって容易に2つのピームを分離できる。さらに2分の1 波長板は 半導体レーザ出射ビームの偏光方向を光ヘッド平 而内方向に変換し、よって光学部品を同一平面内 に配置でき、光ヘッドを薄型化できる。

(实施例)

以下、本発明を光磁気ディスク装置の光ヘッド に用いた一実施例を、第1回,第2回,第3回に より説明する。第1回は光ヘッドの光学系構成を 示す平面図で、第2回は側面図である。半導体レ ーザチップ11は、波長830nm、出力 30mWで、記録用レーザビームを放射する。半 導体レーザチップ12は、波長780mmの低出 カ低ノイズレーザチップで、再生用レーザビーム を放射する。 2 つのレーザビームは、コリメート レンズ13で平行光束になり、2分の1波及板 14とビームスプリッタ15を通過し、ミラー 16で反射され、フォーカスレンズ17で光磁気 ディスク18のトラック19上に記録用スポット 21と再生用スポット22として絞り込まれる。 2つのスポット21と22の反射ビームは、フォ ーカスレンズ17で再度平行光水になりミラー 16で反射され、ビームスプリッタ15で反射さ

2つの半導体レーザチップ 1 1 と 1 2 は、 S 1 C セラミックのサブマウント 3 4 と 3 9 を介 してマウント 3 0 に搭載されている。第 3 図は、 2 つの半導体レーザチップ 1 1 。 1 2 の搭載状況 をコリメートレンズ 1 3 側から見たもので、サブ マウント 3 4 と 3 9 の表面にはパターン電極が形

効率や信号検出効率から、ビームスプリッタ15 は、例えば、P偏光透過率約70%でS偏光反射 率約100%の特性のものを用い、第1國のよう にディスクからの反射ビームをピームスプリッタ 15で反射して検出光学系に導く構成にする。 即 ち、半導体レーザ11,12からのビームをP偏 光にしてビームスプリッタ15に入射すれば、透 過車70%の高い光利用効率が得られ、ディスク からの反射ビームに含まれる光磁気信号成分であ るS個米成分は、効率よく反射して検出光学系に 遠することができる。しかし、2つのレーザチッ プ11と12を対向させた場合、2つのレーザチ ップ11と12から放射されるレーザ光の直線幅 光方向は、第1回の紙面と垂直な方向である。こ れは、ピームスプリッタ15のS偏光方向である。 そこで、2分の1波長板14をレーザチップ11 及び12とビームスプリッタ15の間に配置し、 2つのレーザビームの直線偏光方向を90度回転 させ、P偏光にする。2分の1波長板のかわりに、 例えばファラデー兼子なども用いることができる。 成されており、リード線3 5 と 4 0 にそれぞれ接続されている。レーザチップ 1 1 と 1 2 の電極面3 2 と 3 7 は、リード線3 3 と 3 8 にそれぞれ接続されている。電極面3 2 と 3 7 の間隔は

17μmである。レーザ光は、活性暦31と36からそれぞれ放射され、活性暦31と他種面32の間隔は約5μmである。よって、2つの甲である。は、27μmである。よって、2つの甲である。リザチップの発光点間隔はは、27μmである。リットレンズ13の間口数NAには0.53でリメーカスレンズ17の間口数NAには0.53であり、ディスク上での記録用スポット21とる。記録カスポット22の形容とは、10μmでよる記録方式の光磁気ディスクにも、用いることができる。

光ヘッドを稼くするには、第1図のように光学 部品を1平面内に配置するのが良い。ビームスプ リッタ15や波長分離フィルタ23で分離するビ ームも、この平面内に含まれるのが良い。光利用

本現明は、上記実施例に限ることなく、例えば 相変化型の光ディスク装置や追記型光ディスク装 置、又、光カード装置などにも用いることができ

(発明の効果)

第1回

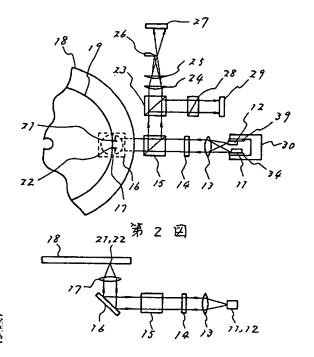
4. 図面の簡単な説明

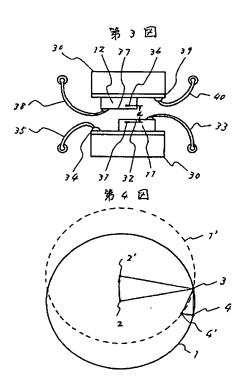
30…マウント.

第1回は本発明の一実施例を示す光ヘッド光学 系の構成を示す平面図、第2回はその側面図、第 3回はその部分図、第4回は従来例の問題点を説明する図、である。

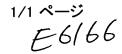
1 1, 1 2 … 半導体レーザチップ、1 3 … コリメートレンズ、1 4 … 2 分の 1 波 長板、1 5 … ビームスプリッタ、1 7 … フォーカスレンズ、1 8 … 光磁気ディスク、1 9 … トラック、2 1, 2 2 … スポット、3 1, 3 6 … 活性層、

代理人 弁理士 小川勝男





(Otqsu) Alank (uspto)





JP10241189

Biblio | Page





OPTICAL PICKUP DEVICE AND OPTICAL RECORDING MEDIUM. DRIVING DEVICE EQUIPPED WITH THE SAME

Patent Number:

JP10241189

Publication date:

1998-09-11

Inventor(s):

TAJIRI ATSUSHI; MORI KAZUSHI; GOTOU TAKENORI; INOUE YASUAKI;

SAWADA MINORU; IBARAKI AKIRA

Applicant(s)::

SANYO ELECTRIC CO LTD

Requested

Patent:

__ JP10241189

Application

Number:

JP19970039596 19970224

Priority Number

(s):

IPC

Classification:

G11B7/135

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical pickup device which is applicable to a plurality of information recording media whose information recording densities are different and whose size is reduced.

SOLUTION: A DVD reproducing 1st semiconductor laser device 2a and a CD reproducing 2nd semiconductor laser device 2b are provided on the supporting plane 10a of a lower frame 10. In the laser beam emitting direction of the 1st and 2nd semiconductor laser devices 2a and 2b, a trisectionizing diffraction lattice 4 by which the laser beam is divided into three diffracted beams, i.e., a 0 degree diffracted beam and \pm 1st degree diffracted beams, and a transmitting hologram device 5 by which three diffracted beams are diffracted in a 1st degree diffraction direction and a -1st degree diffraction direction and transmitted are provided. Further, a reflective mirror 6 provided on the supporting plane 10a reflects a feedback beam vertically upward and guides the beam to a photodetector 12 attached to an upper frame 11.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

This Page Blank (uspto)

- (19)【発行国】日本国特許庁 (JP)
- (12)【公報種別】公開特許公報 (A)
- (11) 【公開番号】特開平10-241189
- (43) 【公開日】平成10年(1998)9月11日
- (54) 【発明の名称】光ピックアップ装置およびそれを備えた光学記録媒体駆動装置
- (51) 【国際特許分類第6版】

G11B 7/135

[FI]

G11B 7/135

【審査請求】未請求

【請求項の数】 9

【出願形態】OL

【全頁数】9

- (21) 【出願番号】特願平9-39596
- (22) 【出願日】平成9年(1997)2月24日
- (71)【出願人】

【識別番号】00001889

【氏名又は名称】三洋電機株式会社

【住所又は居所】大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72)【発明者】

【氏名】田尻 敦志

【住所又は居所】大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

(72)【発明者】

【氏名】森 和思

【住所又は居所】大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

(72)【発明者】

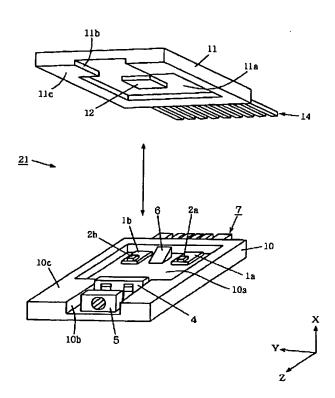
【氏名】後藤 壮謙

【住所又は居所】大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

(57)【要約】

【課題】 情報記録密度の異なる複数の情報記録媒体に対して適用可能でかつ小型化された光ピックアップ装置を提供する。

【解決手段】 下フレーム10の支持面10aにDVD 再生用の第1半導体レーザ素子2a およびCD再生用の第2半導体レーザ素子2b を配置する。第1および第2半導体レーザ素子2a,2bの出射方向にはレーザ光を0次および±1次の3本の回折光に分解する3分割用回折格子4および3本の回折光を1次および一1次の回折方向に回折透過する透過型ホログラム素子5が配置されている。さらに、支持面10aに配置された反射ミラー6は帰還光束を鉛直上方に反射し、上フレーム11に取り付けられた受光素子12に導く。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の支持面に配置され、前記支持面と ほぼ平行な方向に互いに波長の異なる光束を出射する複 数の発光素子と、

前記複数の発光素子から出射された光束をそれぞれ回折 させて所定の光軸方向に透過させる回折素子と、

前記複数の発光素子からそれぞれ出射された光束に基づ く帰還光束を受光する受光素子とを備え、

前記受光素子は、前記複数の発光素子が配置された前記 支持面と異なる支持面に配置されたことを特徴とする光 ピックアップ装置。

【請求項2】 第1の支持面が形成された第1の支持部材と、

前記第1の支持面に配置され、記録密度の異なる複数種類の光学記録媒体に対応した波長の光束を前記第1の支持面にほぼ平行に出射する複数の発光素子と、

前記複数の発光素子から出射された光束を回折させると ともに前記発光素子からの光束に基づく帰還光束を透過 させる回折素子と、

前記複数の発光素子が配置される前記第1の支持面とほぼ平行な第2の支持面を有する第2の支持部材と、

前記第2の支持面に配置され、前記回折素子を透過した 前記帰還光束を受光する受光素子とを備えたことを特徴 とする光ピックアップ装置。

【請求項3】 前記複数の発光素子は、前記回折素子の回折面に直交する軸に対して斜め方向から光束を出射し、

前記回折素子の回折面は、前記回折面に対して斜め方向 から入射する光束を前記第1の支持面にほぼ平行な面内 でかつ前記回折面に直交する軸に沿って回折して透過す ることを特徴とする請求項2記載の光ピックアップ装 置。

【請求項4】 前記複数の発光素子は、第1の波長の光 束を出射する第1の発光素子と、第1の波長と異なる第 2の波長の光束を出射する第2の発光素子とを含み、 前記第1の発光素子からの光束の光路と前記第2の発光 素子からの光束の光路とは前記回折素子で回折後一致す ることを特徴とする請求項3記載の光ピックアップ装 置。

【請求項5】 前記複数の発光素子は、第1の波長の光束を出射する第1の発光素子と、前記第1の波長と異なる第2の波長の光束を出射する第2の発光素子とを含み、

前記第1の発光素子と前記第2の発光素子は、それぞれ 前記回折素子の回折面に直交する軸に対して互いに反対 側に配置され、

前記受光素子は、前記回折素子の回折面に直交する軸に 沿って配置されたことを特徴とする請求項3記載の光ピ ックアップ装置。

【請求項6】 前記第1の支持面に配置され、前記回折

素子を透過した前記帰還光束を反射して前記受光素子に 導く反射部材をさらに備えたことを特徴とする請求項2 ~5のいずれかに記載の光ピックアップ装置。

【請求項7】 前記第1の支持部材と前記第2の支持部材は、前記第1の支持面および前記第2の支持面にほぼ平行な接合面を有することを特徴とする請求項2~6のいずれかに記載の光ピックアップ装置。

【請求項8】 前記第1の支持部材の前記第1の支持面には前記第1の発光素子に電気的に接続される第1配線部材および前記第2の発光素子に電気的に接続される第2配線部材が配置され、

前記第2の支持部材の前記第2の支持面には、前記受光素子に接続される第3配線部材が配置されており、

前記第1および第2配線部材の一部は前記第1の支持部材から突出し、前記第3配線部材の一部は前記第2の支持部材から突出していることを特徴とする請求項4~7のいずれかに記載の光ピックアップ装置。

【請求項9】 請求項1~7のいずれかに記載の光ピックアップ装置と、

光学記録媒体を回転させる回転駆動部と、

前記光ピックアップ装置を前記光学記録媒体の半径方向 に移動させる光ピックアップ駆動部と、

前記光ピックアップ装置の受光素子から出力される信号 を処理する処理部とを備えたことを特徴とする光学記録 媒体駆動装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ピックアップ装置およびそれを備えた光学記録媒体駆動装置に関する。 【0002】

【従来の技術】近年、種々の情報記録媒体に対応する光 ピックアップ装置が研究開発されている。

【0003】図8は、従来の光ピックアップ装置の構成図である。この光ピックアップ装置は、非点収差法によるフォーカスサーボおよび3ビーム法によるトラッキングサーボを行う装置であり、例えば特開平3-76035号公報に開示されている。

【0004】図8に示すように、光ピックアップ装置は、レーザ光を鉛直上方に出射する半導体レーザ102、レーザ光を3本の光束に分割する3分割用回折格子103、分割された3本の光束を透過し、かつ光ディスク100からの帰還光束を回折するホログラム素子104、ホログラム素子104を透過した3本の光束を光ディスク100の記録面に3個のスポットとして集光するための集光レンズ105およびホログラム素子104で回折された帰還光束を検出する光検出器106を備えている。

【0005】上記の光ピックアップ装置において、半導体レーザ102からは所定の波長のレーザ光が出射され、3分割用回折格子103、ホログラム素子104お

よび集光レンズ105からなる光学系を通過して光ディスク100の記録面に照射される。照射された光束は光ディスク100の記録面に記録された情報を含む帰還光束として反射され、集光レンズ105、ホログラム素子104を透過して受光素子106に入射する。受光素子106では受光した光束に基づいて、情報の検出信号、フォーカスサーボ信号およびトラッキングサーボ信号をそれぞれ出力する。

【0006】最近では、CD (コンパクトディスク)のみならずトラック密度等の記録密度が異なる種々の規格の情報記録媒体、例えばDVD (デジタルビデオディスク)等が開発されている。このため、異なる記録密度を有する種々の情報記録媒体の再生を行うことが可能な光ビックアップ装置が望まれている。

[0007]

}

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図8に示す従来の光ピックアップ装置では、特定の情報記録媒体、例えばCDの再生に適した波長のレーザ光を出射する半導体レーザ102および各光学素子が設定されている。このため、記録密度が異なる他の規格の情報記録媒体を再生することができない。

【0008】そこで、発明者らは、情報記録媒体の記録密度に適した波長の光を出射する複数の光源を有する光ピックアップ装置に着目し、例えばCDとDVDの再生に適した波長のレーザ光を出射する2つの半導体レーザ素子を用いた光ピックアップ装置を提案した。本提案に係る光ピックアップ装置は、特願平7-283461号として出願されており、本願の出願日においては未公開である。

【0009】上記提案に係る光ピックアップ装置は、再生対象の情報記録媒体の種類に応じて2つの半導体レーザ素子のいずれかが選択され、選択された半導体レーザ素子から所定の波長のレーザ光を鉛直上方に出射し、情報記録媒体の記録面に入射させるとともにその帰還光束を受光素子に入射させて情報検出信号等を出力するものである。

【0010】また、最近では光ピックアップ装置の小型化、軽量化および低価格化が強く要求されている。そこで、発明者らは、かかる要求に従って上記提案の光ピックアップ装置に対して鋭意研究を行い、本発明の光ピックアップ装置を開発するに至ったものである。

【0011】本発明の目的は、情報記録密度の異なる複数の情報記録媒体に対して適用可能でかつ小型化された 光ピックアップ装置およびそれを備えた光学記録媒体駆動装置を提供することである。

[0012]

【課題を解決するための手段および発明の効果】本発明 に係る光ピックアップ装置は、所定の支持面に配置さ れ、支持面とほぼ平行な方向に互いに波長の異なる光束 を出射する複数の発光素子と、複数の発光素子から出射 された光束をそれぞれ回折させて所定の光軸方向に透過させる回折素子と、複数の発光素子からそれぞれ出射された光束に基づく帰還光束を受光する受光素子とを備え、受光素子が、複数の発光素子が配置された支持面と異なる支持面に配置されたものである。

【0013】本発明に係る光ピックアップ装置においては、記録密度の異なる複数の光学記録媒体に適した波長の光束を出射する複数の発光素子を備え、処理対象の光学記録媒体の種類に応じて最適な発光素子を選択して使用することにより、1つの光ピックアップ装置によって複数種類の光学記録媒体の再生処理等が可能となる。しかも、光ピックアップ装置が再生装置等に組み込まれた状態で、発光素子から出射した光束およびそれに基づく帰還光束の光路の大部分が水平方向となるように構成したことにより、光学記録媒体に直交する光路領域が短縮され、かつ投受光ユニットの鉛直方向の厚みが低減されて光ピックアップ装置全体を薄型化することができる。【0014】なお、投受光ユニットとは、光ピックアップ

【0014】なお、投受光ユニットとは、光ピックアップ装置における発光素子、透過型回折素子、受光素子あるいは分割用回折素子をユニット化した部分であり、光学記録媒体と回折素子との間の光路中に配置される反射ミラーや集光レンズを除く部分である。

【0015】さらに、発光素子と受光素子とを異なる支持面に配置したことにより、発光素子に接続される配線部材と受光素子に接続される配線部材とが同一平面に配置されることが防止され、投受光ユニットの幅寸法を縮小することができる。これによって、光ピックアップ装置の平面領域を縮小することができる。

【0016】特に、本発明に係る光ピックアップ装置は、第1の支持面が形成された第1の支持部材と、第1の支持面に配置され、記録密度の異なる複数種類の光学記録媒体に対応した波長の光東を前記第1の支持面にほぼ平行に出射する複数の発光素子と、複数の発光素子から出射された光東を回折させるとともに発光素子からの光束に基づく帰還光束を透過させる回折素子と、複数の発光素子が配置される第1の支持面とほぼ平行な第2の支持面を有する第2の支持部材と、第2の支持面に配置され、回折素子を透過した帰還光束を受光する受光素子とを備えたものである。

【0017】本発明に係る光ピックアップ装置においては、記録密度の異なる複数の光学記録媒体に適した波長の光束を出射する複数の発光素子を備え、処理対象の光学記録媒体の種類に応じて最適な発光素子を選択して使用することにより、1つの光ピックアップ装置によって複数種類の光学記録媒体の再生処理等が可能となる。しかも、光ピックアップ装置が再生装置等に組み込まれた状態で、発光素子から出射した光束およびそれに基づく帰還光束の光路の大部分が水平方向となるように構成したことにより、光学記録媒体に直交する光路領域が短縮され、かつ投受光ユニットの鉛直方向の厚みが低減され

て光ピックアップ装置全体を薄型化することができる。 【0018】さらに、発光素子と受光素子とを異なる支持面に配置したことにより、発光素子に接続される配線部材と受光素子に接続される配線部材とが同一平面に配置されることが防止され、投受光ユニットの幅寸法を縮小することができる。これによって、光ピックアップ装置の平面領域を縮小することができる。

【0019】また、複数の発光素子は、回折素子の回折面に直交する軸に対して斜め方向から光束を出射し、回折素子の回折面は、回折面に対して斜め方向から入射する光束を第1の支持面にほぼ平行な面内でかつ回折面に直交する軸に沿って回折して透過するものである。

【0020】特に、複数の発光素子が第1の波長の光束を出射する第1の発光素子と、第1の波長と異なる第2の波長の光束を出射する第2の発光素子とを含み、第1の発光素子からの光束の光路と第2の発光素子からの光束の光路とは、回折素子で回折後一致することが好ましい。

【0021】この場合、回折素子以降の第1の発光素子および第2の発光素子からの光束に対して共通に光学系を設けることができ、光学系の構成が簡素化され、かつ調整も容易となる。

【0022】特に、複数の発光素子が、第1の波長の光束を出射する第1の発光素子と、第1の波長と異なる第2の波長の光束を出射する第2の発光素子とを含み、第1の発光素子と第2の発光素子とが、それぞれ回折素子の回折面に直交する軸に対して互いに反対側に配置されおり、受光素子が、回折素子の回折面に直交する軸に沿って配置されることが好ましい。この場合、第1および第2の発光素子の両方を回折素子の回折面に直交する軸の一方側に配置すると、両者の配置すべき位置が近接して配置が困難になるという問題が生じることを防止することができる。また、第1の支持面に配置され、回折素子を透過した帰還光束を反射して受光素子に導く反射部材をさらに備えることが好ましい。これにより、発光素子と異なる支持面に配置された受光素子に対して帰還光束を容易に導くことができる。

【0023】特に、第1の支持部材と第2の支持部材が、第1の支持面および第2の支持面にほぼ平行な接合面を有することを好ましい。この場合には、接合面に沿って第1の支持部材と第2の支持部材とを相対移動させることによって、反射部材と受光素子の位置を調整することが容易となる。

【0024】さらに、第1の支持部材の第1の支持面には第1の発光素子に電気的に接続される第1配線部材および第2の発光素子に電気的に接続される第2配線部材が配置され、第2の支持部材の第2の支持面には、受光素子に接続される第3配線部材が配置されており、第1および第2配線部材の一部は第1の支持部材から突出し、第3配線部材の一部は第2の支持部材から突出して

いる。この場合には、第1および第2の発光素子に接続される第1および第2配線線部材と、受光素子に接続される第3配線部材とが異なる平面位置に形成される。それゆえ、複数の配線部材が同一平面に配置されて投受光ユニットの幅寸法が増大することが抑制され、それによって平面積が縮小された小型の光ピックアップ装置を得ることができる。

【0025】本発明に係る光学記録媒体駆動装置は、上記発明のいずれかに記載の光ピックアップ装置と、光学記録媒体を回転させる回転駆動部と、光ピックアップ装置を光学記録媒体の半径方向に移動させる光ピックアップ駆動部と、光ピックアップ装置の受光素子から出力される信号を処理する処理部とを備えたものである。

【0026】本発明に係る光学記録媒体駆動装置においては、複数の発光素子を有する光ピックアップ装置を備えたことにより、記録密度の異なる複数種類の光学記録媒体の再生信号検出等が可能となる。しかも、光ピックアップ装置の厚み及び幅が低減されたことにより、小型で、特に薄型化された光学記録媒体駆動装置を得ることができる。

[0027]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の一実施例による 光ピックアップ装置の側面断面図である。本実施例の光 ピックアップ装置は、CDとDVDの再生信号検出が可 能に構成されている。図1において、光ピックアップ装 置20は、第1および第2半導体レーザ素子2a,2 b、3分割用回折格子4、透過型ホログラム素子5等が ユニット化された投受光ユニット21と、反射ミラー1 4と、対物レンズ15とを備える。

【0028】図2は、投受光ユニットの分解斜視図であり、図3は投受光ユニットの上フレームの平面図であり、図4は下フレームの平面図である。なお、図1~図4における各図面の位置関係を明確にするために各図中にX軸、Y軸、Z軸を記載する。

【0029】図2〜図4において、投受光ユニット21は、樹脂モールドよりなる上フレーム(第2の支持部材)11および下フレーム(第1の支持部材)10が積層され、相互に接着固定された筐体を有している。

【0030】図2および図4において、下フレーム10は平板状の樹脂モールドからなり、第1および第2半導体レーザ素子2a,2b、反射ミラー6等が配置される支持面(第1の支持面)10aおよび3分割用回折格子4と透過型ホログラム素子5とが配置される凹部10bを有している。また、支持面10aおよび凹部10bの周辺部には上フレーム11と接合される平坦な接合面10cが形成されている。

【0031】図4において、光ディスク(光学記録媒体)からの帰還光束の光軸を20で示し、第1半導体レーザ素子2a(第1の発光素子)から出射される光束の光軸を21で示し、第2半導体レーザ素子2b(第2の

発光素子)から出射されるレーザ光の光軸を Z 2 で示す。下フレーム10の支持面10 a 上には2つの導電性ヒートシンク1a, 1b が配置されており、導電性ヒートシンク1a, 1b の上面に第1および第2 半導体レーザ素子2a, 2b およびモニタ用のフォトダイオード3a, 3b が配置されている。 Z 1軸は、後述する透過型ホログラム素子5の+1次の回折方向に一致しており、第1半導体レーザ素子2aがこの Z 1軸に沿って配置されている。また、 Z 2軸は透過型ホログラム素子の-1次の回折方向に一致しており、第2半導体レーザ2bがこの Z 2軸に沿って配置されている。

【0032】第1半導体レーザ2aは、波長635nmのレーザ光を出力し、DVD再生時に使用される。また、第2半導体レーザ素子2bは、波長780nmのレーザ光を出力し、CD再生時に使用される。

【0033】モニタ用のフォトダイオード3a,3bはそれぞれ第1半導体レーザ素子2a および第2半導体レーザ素子2bの後端面側に配置されており、第1および第2半導体レーザ素子2a,2bの後端面から出射されたレーザ光をモニタ光としてそれぞれ受光する。モニタ用のフォトダイオード3a,3bからの出力信号は自動出力制御回路(図示せず)に出力され、この出力信号に基づいて第1および第2半導体レーザ素子2a,2bのレーザ光の出力が一定となるように制御される。

【0034】さらに、支持面10aには、第1半導体レーザ素子2aおよび第2半導体レーーザ素子2bにそれぞれ電力を供給するリードフレーム7c,7f、リードフレーム7c,7fとは逆極性側のリードフレーム7d,7e、モニタ用のフォトダイオード3a,3bからの信号を出力するリードフレーム7b,7gおよび第1および第2半導体レーザ素子2a,2bとモニタ用のフォトダイオード3a,3bとに共通(例えばアース用)のリードフレーム7a,7hが配置されている。各リードフレーム7a~7hの端部は下フレーム10の端面から外方に突出している。

【0035】支持面10aの中央付近には、帰還光束の 光軸20に沿って反射ミラー6が配置されている。反射 ミラー6は20軸に沿って帰還する帰還光束を鉛直上方 に反射するようにその反射面が水平面 (Y-Z面) に対 して45度傾けて設定されている。

【0036】下フレーム10の凹部10bには、3分割用回折格子4および透過型ホログラム素子5が配置されている。3分割用回折格子4は第1半導体レーザ素子2aおよび第2半導体レーザ素子2b側の表面にそれぞれ等ピッチの凹凸からなる回折格子面4a、4bが形成されている。3分割用回折格子4の回折格子面4aは、第1半導体レーザ素子2aから出射されたレーザ光を0次と+1次と-1次の3本の回折光に分割して出射する。また、回折格子面4bは第2半導体レーザ素子2bから出射されたレーザ光を0次と+1次と-1次の3本の回

折光に分割して出射する。

【0037】透過型ホログラム素子(回折素子)5は、3分割用回折格子4側の表面に凹凸のピッチが漸次的に変化する曲線群からなるホログラム面5aを有する透光性材料から構成されている。そして、21軸に沿って3分割用回折格子4を透過した3本の回折光を20軸方向に回折し、22軸に沿って3分割用回折格子4から出射された3本の回折光を20軸方向に回折する。好ましくは、波長635nmのレーザ光の光路と波長780nmのレーザ光の光路はホログラム面5aを透過回折後、一致する。また、光ディスクからの帰還光束を20軸に沿って透過し、3分割用回折格子4および反射ミラー6に導く。

【0038】図2および図3において、上フレーム11は、平板状の樹脂モールドからなり信号検出用のフォトダイオード12が取り付けられる支持面11aおよび下フレーム10の凹部10bに対応する凹部11bが形成されている。支持面11aおよび凹部11bの周囲には平坦な接合面11cが形成されている。

【0039】信号検出用のフォトダイオード12は、受光面13が下フレーム10に取り付けられた反射ミラー6からの帰還光束を受光し得る位置に取り付けられている。なお、図3において受光面13は単一の長方形状に表示されているが、実際には、非点収差法によるフォーカス信号および再生信号を出力するための複数の分割受光面と、3ビーム法によるトラッキングエラー信号を出力するための複数の分割受光面とから構成されている。また、フォトダイオード12は、PIN型フォトダイオードから構成されている。フォトダイオード12が支持面11aに取り付けられた状態で、フォトダイオード12の受光面13は下フレーム10の支持面10aとほぼ平行に配置されている。

【0040】信号検出用のフォトダイオード12の近傍には、フォトダイオード12からの信号出力用の複数本のリードフレーム14が配置されている。リードフレーム14の一端はフォトダイオード12の近傍に延び、ボンディングワイヤによりフォトダイオード12の端子と電気的に接続されている。また、他端は上フレーム11を貫通し、上フレーム11の端面から外方に突出している。

【0041】上記の投受光ユニット21装置の製造時において、透過型ホログラム素子5は、第1および第2半導体レーザ素子2a,2bからのレーザ光がそれぞれCDおよびDVDの記録面に焦点を結ぶようにZ軸方向の位置が調整される。また、反射ミラー6により反射された帰還光束がフォトダイオード12の受光面13に正確に入射するように上フレーム11が下フレーム10に対して接合面10c,11cに沿って相対移動されて調整される。調整が終了すると、上フレーム11および下フレーム10が接着剤により固定される。これにより、投

受光ユニット21が完成する。さらに、投受光ユニット 21は、光ピックアップ装置20の反射ミラー14および集光レンズ15と所定の位置関係となるように光ピックアップ装置20の内部に配置される。

【0042】次に、本実施例による光ビックアップ装置の動作について説明する。図5は図1の光ピックアップ装置の投受光ユニットの光学系の動作を示す側面模式図であり、図6は投受光ユニットの光学系の平面模式図である。

【0043】図1、図5および図6を参照して、まずD VDの再生動作について説明する。光ピックアップ装置 20は第1半導体レーザ素子2aを駆動し、波長635 nmのレーザ光を出射させる。第1半導体レーザ素子2 aから出射されたレーザ光B1は、透過型の3分割用回 折格子4の回折格子面4aに入射し、0次、+1次およ び-1次の3本の回折光に分割されて透過した後、透過 型ホログラム素子5に入射する。透過型ホログラム素子 5は入射した3本の回折光を+1次の回折方向に回折透 過し、20軸に沿って反射ミラー14に出射する。反射 ミラー14は3本の回折光をほぼ鉛直上方に反射する。 集光レンズ15は、反射ミラー14により反射された3 本の回折光をDVDの記録面に主スポットおよび2つの 副スポットとして集光させる。主スポットは情報の記録 面 (トラック面) に集光され、2つの副スポットはトラ ック面と非トラック面とにまたがる位置に集光される。 【0044】そして、主スポットおよび2つの副スポッ

【0044】そして、主スポットおよび2つの副スポットからの帰還光束は再び集光レンズ15を通り、鉛直下方に進行し、反射ミラー14により水平方向に反射されて透過型ホログラム素子5に入射する。入射した帰還光束は透過型ホログラム素子5を透過し、さらに3分割用回折格子の回折格子面4a,4bが形成されていない部分を透過して反射ミラー6に入射する。

【0045】反射ミラー6は帰還光束を鉛直上方に反射 し、上フレーム11に取り付けられた信号検出用のフォ トダイオード12の受光面13に導く。

【0046】フォトダイオード12は、帰還光束に基づき、再生信号、非点収差法によるフォーカス信号および3ビーム法によるトラッキングエラー信号を生成してリードフレーム14を通して出力する。

【0047】次に、CDの再生動作について説明する。 CDの再生にはDVDの再生に比べて長波長のレーザ光が用いられる。すなわち、波長780nmのレーザ光を出射する第2半導体レーザ素子2bが駆動される。第2半導体レーザ素子2bから出射されたレーザ光B2は、3分割用回折格子4の回折格子面4bに入射する。回折格子面4bはレーザ光B2を0次、+1次および-1次の3本の回折光に分割して透過する。3本の回折光は、透過型ホログラム素子5のホログラム面5aにより-1次方向に回折され、Z0軸に沿って出射される。

【0048】その後、3本の回折光は、DVDの再生動

作と同様に、反射ミラー14、集光レンズ15を透過してCDの記録面に主スポットおよび2つの副スポットとして集光される。さらに、CDの記録面で反射された帰還光束は集光レンズ15および反射ミラー14を通り透過型ホログラム素子5に入射する。さらに、透過型ホログラム素子5および3分割用回折格子4を透過して反射ミラー6に到達する。反射ミラー6は帰還光束をほぼ鉛直上方に反射し、信号検出用のフォトダイオード12の受光面13に入射させる。フォトダイオード12は受光した帰還光束に基づいて、CDの再生信号、非点収差法によるフォーカス信号および3ビーム法によるトラッキングエラー信号をそれぞれ出力する。

【0049】上記の光ピックアップ装置では、DVDの再生に適した短波長のレーザ光を出射する第1半導体レーザ素子2aと、CDの再生に適した長波長のレーザ光を出射する第2半導体レーザ素子2bとを備え、再生対象の記録媒体に応じて第1および第2半導体レーザ素子2a,2bを使い分けることにより、単一の光ピックアップ装置で記録密度の異なるCDとDVDの双方の再生処理を行うことができる。しかも、光源である第1および第2半導体レーザ素子2a,2bを除き、他の光学系は光学記録媒体の種類によらず共通に使用される。それゆえ、光ピックアップ装置の構成部品の点数を増加させることなく小型化および低価格化を図ることができる。

【0050】さらに、第1および第2半導体レーザ素子2a,2bからのレーザ光の出射方向を水平方向としたことにより、光ピックアップ装置の鉛直方向の厚さを薄くすることができる。

【0051】さらに、信号検出用のフォトダイオード12を3分割用回折素子4、透過型ホログラム素子5および反射ミラー6等の光学系と異なる上フレーム11の支持面11aに形成したことにより、光学系との位置調整を独立して正確に行うことが可能となる。

【0052】なお、上記の実施例では、CDとDVDの2種類の光学記録媒体を再生し得る光ピックアップ装置について説明したが、他の記録密度を有する光学記録媒体に対してもその再生あるいは記録に最適な波長の光源をさらに備えることにより再生あるいは記録処理を行うことが可能である。

【0053】また、上記の実施例では、回折素子として 透過型ホログラム素子を用いたが、これに限定されるこ となく、例えば反射型回折格子を用いてもよい。

【0054】図7は、本実施例の光ピックアップ装置を用いた光学記録媒体駆動装置の構成を示すブロック図である。光学記録媒体駆動装置は、光ディスク100を回転駆動させるモータ27およびモータ27の回転動作を制御する回転制御系26を有する。また、光ピックアップ装置20は、光ピックアップ装置20の検出位置を光ディスク100の半径方向に移動させる送りモータ22が接続されている。送りモータ22は送りモータ制御系

23によりその動作が制御される。光ピックアップ装置20の動作はピックアップ制御系24により制御され、 光ピックアップ装置20からの出力は信号処理系25により制御されている。

【0055】さらに、光学記録媒体駆動装置の各処理系の動作はドライブコントローラ28により制御されている。この光学記録媒体駆動装置は、ドライブインターフェース29を介して再生装置に接続され、光ピックアップ装置20からの検出信号に基づいた情報再生処理が行われる。

【0056】上記のような光学記録媒体駆動装置に本発明の光ピックアップ装置20を用いることにより、複数種類の光学記録媒体の再生処理を行うことが可能となる。さらに、光ピックアップ装置20が小型化されたことにより、光学記録媒体駆動装置全体を小型化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例による光ピックアップ装置の側面断面図である。

【図2】図1の光ピックアップ装置の投受光ユニットの 分解斜視図である。

【図3】図2の投受光ユニットの上フレームの平面図で

ある。

【図4】図2の投受光ユニットの下フレームの平面図である。

【図5】投受光ユニットの光学系の動作を示す側面模式 図である。

【図6】投受光ユニットの光学系の動作を示す平面模式 図である。

【図7】光ピックアップ装置を用いた光学記録媒体駆動 装置の構成を示すブロック図である。

【図8】従来の光ピックアップ装置の構成図である。 【符号の説明】

2 a, 2 b 第1半導体レーザ素子, 第2半導体レーザ素子

4 3分割用回折格子

4 a, 4 b 回折格子面

5 透過型ホログラム素子

5 a ホログラム面

6 反射ミラー

10 下フレーム

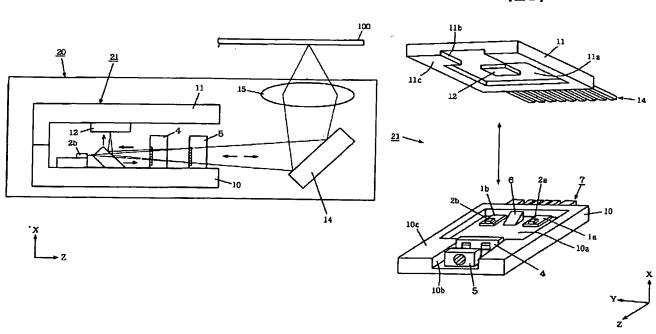
11 上フレーム

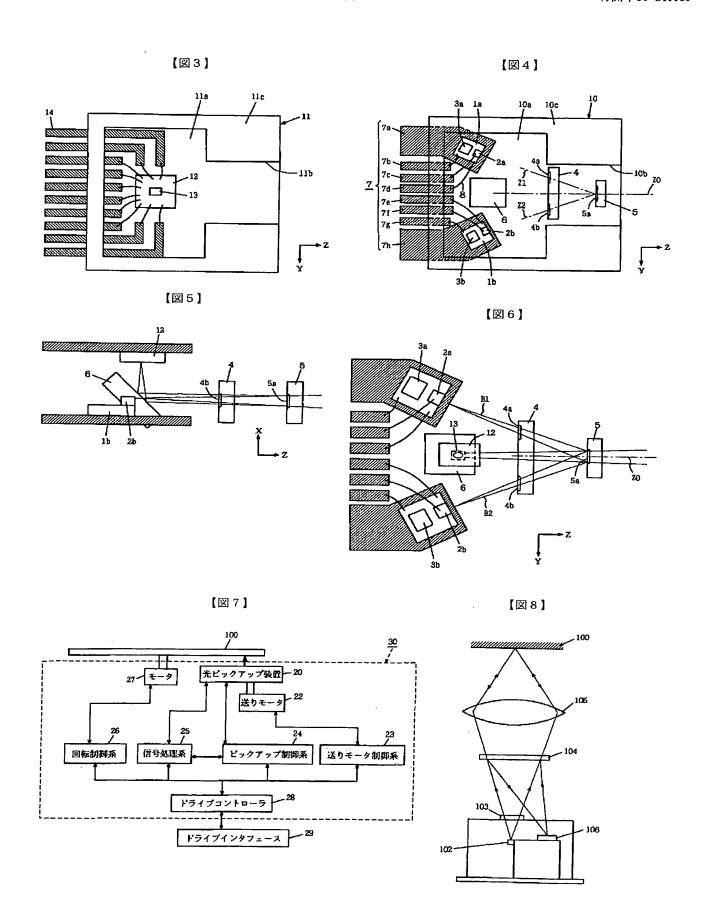
10a, 11a 支持面

10c, 11c 接合面

【図1】







j

フロントページの続き

(72)発明者 井上 泰明

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 (72) 発明者 澤田 稔

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72)発明者 茨木 晃

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

This Page Blank (uspto)



JS6084843

Biblio Drawing





Optical recording and reproducing apparatus and method

Patent Number:

US60<u>84843</u>

Publication date:

2000-07-04

Inventor(s):

ABE TSUGUHIRO (JP); HINENO SATOSHI (JP); SAITO KIMIHIRO (JP);

SUZUKI JUNICHI (JP)

Applicant(s)::

SONY CORP (JP)

Requested

Patent:

□ JP10261240

Application

Number:

US19980039479 19980316

Priority Number

(s):

JP19970065850 19970319

IPC Classification: G11B7/00

EC Classification: G11B7/125D, G11B7/12H, G11B7/135A

Equivalents:

Abstract

The present invention provides a compact recording and reproducing apparatus capable of playing back DVD and CDs including CD-R. This apparatus comprises a means of focusing a light of a first or second wavelength onto a first or second recording media; a first means disposed off the optical axis of the focusing means to generate a light of the first wavelength; a second means disposed on the optical axis of the focusing means to generate a light of the second wavelength; a means of correcting a coma aberration in the light of the first wavelength and guiding the corrected light along the optical axis of the focusing means, and a means of detecting the light of the first or second wavelength reflected from the first or second recording media.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

Ipis Page Blank (uspto)

- (19)【発行国】日本国特許庁 (JP)
- (12)【公報種別】公開特許公報 (A)
- (11)【公開番号】特開平10-261240
- (43) 【公開日】平成10年 (1998) 9月29日
- (54) 【発明の名称】記録再生装置および方法
- (51)【国際特許分類第6版】

G11B 7/135

7/20

[FI]

G11B 7/135

7

7/20

【審査請求】未請求

【請求項の数】13

【出願形態】OL

【全頁数】20

- (21) 【出願番号】特願平9-65850
- (22) 【出願日】平成9年(1997)3月19日
- (71) 【出願人】

【識別番号】000002185

【氏名又は名称】ソニー株式会社

【住所又は居所】東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)【発明者】

【氏名】阿部 嗣弘

【住所又は居所】東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(72)【発明者】

【氏名】鈴木 潤一

【住所又は居所】東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

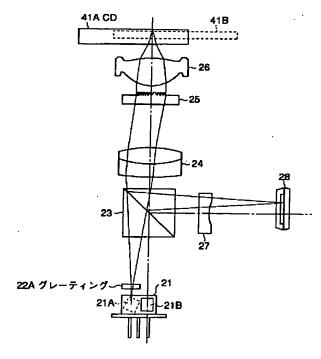
(72)【発明者】

(57)【要約】

【課題】 DVDとCD-Rを再生可能にするとともに、より小型化を可能にする。

【解決手段】 DVD41Bを再生するための650nmの波長のレーザ光を出射するレーザチップ21Bを、屈 折型対物レンズ26の光軸上に配置する。CD41Aを 再生するための780nmのレーザ光を出射するレーザチップ21Aを、屈折型対物レンズ26の光軸外に配置する。ホログラフィック光学素子25でレーザチップ21Aより出射されたレーザ光のコマ収差と球面収差を補正する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の長さの波長の光により情報が記録または再生される第1の記録媒体と、第2の長さの波長の光により情報が記録または再生される第2の記録媒体に対して、情報を記録または再生する記録再生装置において、

前記第1の長さの波長の光または第2の長さの波長の光 を、前記第1の記録媒体または第2の記録媒体に集束し て照射する集束手段と、

前記集束手段の光軸外に配置され、前記第1の長さの波 長の光を発生する第1の発生手段と、

前記集束手段の光軸上に配置され、前記第2の長さの波 長の光を発生する第2の発生手段と、

前記第1の長さの波長の光を、そのコマ収差を補正して、前記集束手段の光軸上に案内する補正手段と、

前記第1の記録媒体または第2の記録媒体により反射された第1の長さの波長の光または第2の長さの波長の光 を受光する受光手段とを備えることを特徴とする記録再 生装置。

【請求項2】 前記第1の記録媒体と第2の記録媒体は、それぞれ異なる厚さの基板を有し、

前記補正手段は、前記第1の長さの波長の光の球面収差 も補正することを特徴とする請求項1に記載の記録再生 装置。

【請求項3】 前記補正手段は、ホログラフィック光学素子であることを特徴とする請求項1に記載の記録再生装置。

【請求項4】 前記補正手段は、前記第1の長さの波長の光に位相差を与え、前記第2の長さの波長の光には実質的に位相差を与えない高さの3段以上の階段形状を有する鋸波形状の凹凸が、同心円状に、かつ、偏心した状態で形成された位相変調手段を有することを特徴とする請求項3に記載の記録再生装置。

【請求項5】 前記補正手段は、前記階段の1段の高さ dが、前記ホログラフィック光学素子の基板の屈折率を n、正の整数をp、第2の長さの波長を12とすると き、次式、

 $d = p \lambda 2 / (n-1)$

を満足するか、またはその近傍の値であることを特徴と する請求項4に記載の記録再生装置。

【請求項6】 前記補正手段においては、前記第1の長さの波長の光の正または負の1次回折効率が、他の次数の回折効率より、充分大きくなるように、前記階段の段数Nと高さdが設定されていることを特徴とする請求項5に記載の記録再生装置。

【請求項7】 前記補正手段においては、前記第1の長さの波長の光の0次回折効率と正または負の1次回折効率が、ほぼ等しくなるように、前記階段の段数Nと高さdが設定されていることを特徴とする請求項5に記載の記録再生装置。

【請求項8】 前記補正手段は、その位相変調手段が、 前記集束手段の有効径より小さい範囲に形成されている ことを特徴とする請求項4に記載の記録再生装置。

【請求項9】 前記受光手段は、前記補正手段を透過する前記第1の長さの波長の0次回折成分または前記補正手段を透過する前記第2の長さの波長の0次回折成分を受光することを特徴とする請求項4に記載の記録再生装置。

【請求項10】 前記補正手段は、第1の厚さを有する 第1の記録媒体の記録面に、前記第1の長さの波長の光 が前記集束手段により集束されて生成される光スポット と、第2の厚さを有する第2の記録媒体の記録面に、前 記第2の長さの波長の光が前記集束手段により集束され て生成される光スポットの光学的位置が一致するように 最適化されていることを特徴とする請求項9に記載の記 録再生装置。

【請求項11】 前記第1の発生手段と第2の発生手段は、1つのパッケージ内に組み込まれていることを特徴とする請求項1に記載の記録再生装置。

【請求項12】 前記受光手段が、前記パッケージ内に さらに組み込まれていることを特徴とする請求項11に 記載の記録再生装置。

【請求項13】 第1の長さの波長の光により情報が記録または再生される第1の記録媒体と、第2の長さの波長の光により情報が記録または再生される第2の記録媒体に対して、前記第1の長さの波長の光または第2の長さの波長の光を、集束手段により集束して照射し、情報を記録または再生する記録再生方法において、前記第1の長さの波長の光を発生する第1の発生手段を、前記集束手段の光軸外に配置するステップと、前記第2の長さの波長の光を発生する第2の発生手段

前記第1の長さの波長の光を、そのコマ収差を補正して、前記集束手段の光軸上に案内するステップと、前記第1の記録媒体または第2の記録媒体により反射された第1の長さの波長の光または第2の長さの波長の光を受光するステップとを備えることを特徴とする記録再生方法。

を、前記集束手段の光軸内に配置するステップと、

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、記録再生装置および方法に関し、特に、第1の波長の光と、第2の波長の光を用いて、それぞれ異なる記録媒体に対して、情報を記録または再生する場合に、より小型化できるようにした記録再生装置および方法に関する。

[0002]

【従来の技術】光を利用して情報を記録または再生する記録媒体として、コンパクトディスク (CD) (商標)、CD-ROM、CD-Rなどの光ディスクが普及しているが、最近では、その他に、大容量のデータを記

録するDVD (Digital VersatileDisc) などの新たな 記録媒体が開発されつつある。

【0003】このような光ディスクからデジタル情報を 読み出す場合、レーザ光を記録媒体に集光し、記録媒体 からの反射光を検出し、反射光のレベルを2値データに 変換する。

【0004】高密度の光ディスクにおいては、短波長のレーザ光を利用し(例えば、CDを再生する場合、波長 λ は λ = 780 mmとされ、より高密度にデータが記録されているDVDを再生する場合、 λ = 635乃至650 mmとされる)、開口数(NA)の大きい(例えば、CDを再生する場合、NA=0.45とされ、DVDを再生する場合、NA=0.6とされる)対物レンズを使用してレーザ光をより狭い範囲に収束させ、その反射光を受光して、記録されている情報を再生する。

【0005】そのような開口数 (NA) の大きい対物レンズを使用すると、光ディスクの傾き (スキュー) に起因して、反射光における収差量が増大するため、DVDではCDにおける場合より基板を薄く設計し (CDの1.2mmに対し、DVDでは0.6mm)、反射光における収差量を低減している。

【0006】以上のような、対物レンズのNAとレーザ 光の波長えの値に応じて規定される集光スポットのサイズ(λ/NAに比例する)の違い、および、光ディスク の基板の厚さに応じて生じる球面収差の量の違いによ り、従来のCDに記録されている情報を読み出す光学系 を、そのまま、DVDの再生に利用することは困難であ り、その逆に、DVD用に設計した光学系をCDの再生 にそのまま利用することも困難である。

【0007】しかしながら、今後、CDなどの従来の光ディスクと、DVDなどの高密度の光ディスクは共存していくものと考えられるので、それらの光ディスクを再生する場合、光ディスクの種類毎に専用の再生装置を用意しなければならないとすれば不便である。

【0008】そこで、このような記録密度と基板の厚さ が異なる複数の光ディスクを1つの装置で再生する方法 がいくつか提案されている。

【0009】そのうちの1つとして、対物レンズと、ホログラフィック光学素子 (HOE)を組み合わせる方法が、例えば、特開平7-98431号公報に開示されている。図29は、同公報に記載の技術の原理を表している。すなわち、同図に示すように、例えば650nmの波長のレーザ光が、HOE101と対物レンズ102を介して、CD103またはDVD104に照射される。HOE101には、図30に示すように、同心円状の鋸歯状または階段状の凹凸よりなる輪帯構造が形成されている。その結果、図31に示すように、入射された650nmの波長の光が0次回折光(透過光)と1次回折光に分割される。0次回折光は、DVD用とされ、1次回折光は、CD用とされる。それ以外の次数の回折光は、実質

的に殆ど0となるように、HOE101は最適化されている。

【0010】対物レンズ102は、DVD104に最適化されている。その結果、HOE101を透過した0次回折光は、図29に示すように、対物レンズ102により、基板の厚さが0.6mmのDVD104の情報記録面上に集束される。また、HOE101の輪帯のピッチは、1次回折光が、対物レンズ102を経て、厚さが約1.2mmの基板を有するCD103に集束されるとき、DVD104との基板厚の違いによる球面収差を補正するように最適化されている。また、この輪帯の径は、CD103に最適なNAが得られるように、対物レンズ102の有効径より小さい領域に形成してある。その結果、対物レンズ102を透過した1次回折光は、情報記録面上に回折限界まで集光され、良好な光スポットが形成される。

【0011】また、このHOE101の輪帯のピッチは、CD103の光スポットがDVD104の光スポットから光軸方向に数百μm離れるように最適化してあるため、各光スポットが他方の再生RF信号に影響を与えないようになされている。

【0012】しかしながら、このようなピックアップにおいては、使用されている波長が650nmと短いため、通常のCDは再生できても、CD-Rを再生することができない。すなわち、再生だけでなく書き込みも可能なCD-Rは、780nmの帯域の波長を反射するように形成されており、DVDで用いる650nmの長さの波長は、殆ど吸収してしまうからである。

【0013】そこで、本出願人は、例えば特願平8-121337号として、CD-Rを含むCDとDVDの両方を再生することが可能なピックアップを提案した。図32と図33は、その構成例を表している。図32は、DVD104を再生する場合の光学系を表しており、図33は、CD103を再生する場合の光学系の状態を表している。

【0014】DVD104を再生する場合には、図32に示すように、780nmの波長のレーザ光を発生する放射光源111Bはオフされる。そして、650nmの波長のレーザ光を発生する放射光源111Aがオンされる。放射光源111Aがオンされる。放射光源111Aがオンされる。放射光源111Aにより、実質的に3本のレーザ光に分割された後、ダイクロイックプリズム(DP)113と偏光ビームスプリッタ(PBS)114を透過して、コリメータレンズ115に入射される。コリメータレンズ115は、入射された発散光を平行光に変換して、2/4板116を介して、HOE117に入射させる。屈折型対物レンズ118は、DVD104に最適化されて設計されている。従って、HOE117は、屈折型対物レンズ118により、CD103に集束される780nmの波長の光の球面収差を補正するように最適化されており、

650nmの波長の光には、実質的に機能しない。

【0015】すなわち、図34に拡大して示すように、HOE117は、波長650nmのレーザ光をほぼ100%透過する。すなわち、HOE117からは、0次回折光が出射される。このレーザ光は、屈折型対物レンズ118により集束され、0.6mmの厚さの基板を有するDVD104の情報記録面上に集光される。屈折型対物レンズ118は、DVD104にレーザ光を照射したとき、球面収差が発生しないように最適化されているので、DVD104上の集光スポットは、回折限界まで絞られた集光スポットとなる。

【0016】これに対して、CD103を再生する場合には、図33に示すように、650nmの波長のレーザ光を発生する放射光源111Aがオフされ、その代わりに、780nmの波長のレーザ光を発生する放射光源111Bがオンされる。このレーザ光は、グレーティング112Bを介して、ダイクロイックプリズム113に入射される。このダイクロイックプリズム113は、波長650nmのレーザ光は透過するが、波長780nmのレーザ光は反射する。その結果、ダイクロイックプリズム113で反射されたレーザ光が、偏光ビームスプリッタ114、コリメータレンズ115、 λ /4板116を介して、HOE117に入射される。

【0017】図35に示すように、HOE117の輪帯ピッチは、780nmの1次回折光と屈折型対物レンズ118との組み合わせによるDVD104とCD103の基板厚の差による球面収差を補正するように最適化されている。また、HOE117上の回折光は、CD103のNAに合うようにDVD104に対する屈折型対物レンズ118の瞳径よりも小さな領域にのみ作成されている。その結果、780nmのレーザ光は、CD103の情報記録面上に、回折限界まで絞られた集光スポットを形成するように照射される。その結果、迷光や光の利用率の低下の殆どない安定した再生が可能となる。

【0018】CD103またはDVD104で反射されたレーザ光は、屈折型対物レンズ118、HOE117、 15を介して、16次で一ムスプリッタ114に入射される。ディスクからの戻り光は、ディスクへの入射光に較べて、 14板116を往復しているので、偏光面が90度回転することになる。その結果、戻り光は、偏光ビームスプリッタ114で反射され、マルチレンズ119を介して、ホトダイオード(PD)120に入射される。ホトダイオード120の出力から、ディスクに記録されている情報を再生することができる。

[0019]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、先に提案した発明においては、異なる波長のレーザ光を発生する2つの放射光源111A, 111Bを、それぞれ屈折型対物レンズ118の光軸内に配置するようにしている

ため、光軸を約90度に分割するためのダイクロイックプリズム113を必要とし、部品点数が多くなり、コスト高となるばかりでなく、装置が大型化する課題があった。

【0020】本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、CD-Rを再生できるようにするとともに、より小型化を可能とするものである。

[0021]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の記録再生装置は、第1の長さの波長の光または第2の長さの波長の光を、第1の記録媒体または第2の記録媒体に集束して照射する集束手段と、集束手段の光軸外に配置され、第1の長さの波長の光を発生する第1の発生手段と、集束手段の光軸上に配置され、第2の長さの波長の光を発生する第2の発生手段と、第1の長さの波長の光を、そのコマ収差を補正して、集束手段の光軸上に案内する補正手段と、第1の記録媒体または第2の記録媒体により反射された第1の長さの波長の光または第2の長さの波長の光を受光する受光手段とを備えることを特徴とする。

【0022】請求項13に記載の記録再生方法は、第1の長さの被長の光を発生する第1の発生手段を、集束手段の光軸外に配置するステップと、第2の長さの被長の光を発生する第2の発生手段を、集束手段の光軸内に配置するステップと、第1の長さの波長の光を、そのコマ収差を補正して、集束手段の光軸上に案内するステップと、第1の記録媒体または第2の記録媒体により反射された第1の長さの波長の光または第2の長さの波長の光を受光するステップとを備えることを特徴とする。

【0023】請求項1に記載の記録再生装置および請求項13に記載の記録再生方法においては、第1の長さの波長の光を発生する第1の発生手段が、集束手段の光軸外に配置され、第2の長さの波長の光を発生する第2の発生手段が、集束手段の光軸内に配置される。そして、第1の長さの波長の光が、コマ収差を補正して、集束手段の光軸上に案内される。

[0024]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を説明するが、特許請求の範囲に記載の発明の各手段と以下の実施の形態との対応関係を明らかにするために、各手段の後の括弧内に、対応する実施の形態(但し一例)を付加して本発明の特徴を記述すると、次のようになる。但し勿論この記載は、各手段を記載したものに限定することを意味するものではない。

【0025】請求項1に記載の記録再生装置は、第1の長さの波長の光または第2の長さの波長の光を、第1の記録媒体(例えば図3のCD41A)または第2の記録媒体(例えば図2のDVD41B)に集束して照射する集束手段(例えば図2の屈折型対物レンズ26)と、集束手段の光軸外に配置され、第1の長さの波長の光を発

生する第1の発生手段(例えば図3のレーザチップ21A)と、集束手段の光軸上に配置され、第2の長さの波長の光を発生する第2の発生手段(例えば図2のレーザチップ21B)と、第1の長さの波長の光を、そのコマ収差を補正して、集束手段の光軸上に案内する補正手段(例えば図3のHOE25)と、第1の記録媒体または第2の記録媒体により反射された第1の長さの波長の光または第2の長さの波長の光を受光する受光手段(例えば図2のホトダイオード28)とを備えることを特徴とする。

【0026】請求項4に記載の記録再生装置は、補正手段は、第1の長さの波長の光に位相差を与えない高さの3段以上の階段形状を有する鋸波形状の凹凸が、同心円状に、かつ、偏心した状態で形成された位相変調手段(例えば図4の位相部25A)を有することを特徴とする。【0027】請求項13に記載の記録再生方法は、第1の長さの波長の光を発生する第1の発生手段(例えば図3のレーザチップ21A)を、集束手段(例えば図2の屈折型対物レンズ26)の光軸外に配置するステップと、第2の長さの波長の光を発生する第2の発生手段(例えば図2の一世チップ21B)を、集束手段の光

(例えば図2のレーザチップ21B)を、集束手段の光軸内に配置するステップと、第1の長さの波長の光を、そのコマ収差を補正して、集束手段の光軸上に案内するステップと、第1の記録媒体または第2の記録媒体により反射された第1の長さの波長の光または第2の長さの波長の光を受光するステップとを備えることを特徴とする。

【0028】図1は、本発明の記録再生装置の実施の形態の構成例を示している。この実施の形態においては、 光学ピックアップ部1は、内蔵する2つの放射光源としてのレーザチップ21A,21B(図2)のうちの一方で所定の波長のレーザ光を発生し、所定の光学系(後述)を介して、光ディスク41A(例えばCD)または光ディスク41B(例えばDVD)に集光し、その反射光を、複数の受光部を有するホトディテクタ(PD)28(図2)で検出し、各受光部の出力信号をPD出力信号として演算回路2に出力するようになされている。

【0029】演算回路2は、PD出力信号(各受光部の信号)から、光ディスク再生用のデータ検出信号(RF信号)、光軸方向におけるレーザ光のフォーカスのずれを示すフォーカスエラー信号、および、光ディスクの半径方向のトラッキングのずれを示すトラッキングエラー信号を算出し、データ検出信号を再生回路3に出力し、フォーカスエラー信号およびトラッキングエラー信号を制御回路4に出力するようになされている。

【0030】再生回路3は、演算回路2より供給された データ検出信号をイコライズした後、2値化し、さら に、エラー訂正しながら復調した信号を、再生信号とし て、所定の装置 (図示せず) に出力するようになされて いる。

【0031】制御回路4は、演算回路2より供給されたフォーカスエラー信号に応じて、フォーカスサーボ用アクチュエータ6を制御し、光学ピックアップ部1の屈折型対物レンズ26(図2)を光軸方向に移動させ、フォーカスを調整し、演算回路2より供給されたトラッキングエラー信号に応じて、トラッキングサーボ用アクチュエータ7を制御し、光学ピックアップ部1を光ディスク41A,41Bの半径方向に移動させ、トラッキングを調整するようになされている。

【0032】制御回路4は、光源切り換え用回路8を制御し、再生するディスクに応じて、光ディスク41A (CD)を再生するとき、レーザチップ21Aから、第1の長さ (例えば780nm)の波長 λ 1のレーザ光を発生させ、光ディスク41B (DVD)を再生するとき、レーザチップ21Bから、第2の長さ (例えば650nm)の波長 λ 2のレーザ光を発生させるようになされている。

【0033】また、制御回路4は、モータ9を制御し、 光ディスク41A, 41Bを所定の速度で回転させるよ うになされている。

【0034】なお、制御回路4は、入力装置5からユーザによる操作に応じた信号を受け取ると、その信号に応じて、各回路を制御するようになされている。

【0035】図2と図3は、図1の光学ピックアップ部1の構成例を示しており、図2は、光ディスク41Bの再生時における光路を、図3は、CD41Aの再生時の光路を、それぞれ示している。複合レーザダイオード21は、レーザチップ21Aとレーザチップ21Bとを有しており、第1の波長 λ 1のレーザ光を発生するレーザチップ21Aは、屈折型対物レンズ26の光軸外に配置されており、第2の波長 λ 2のレーザ光を発生するレーザチップ21Bは、屈折型対物レンズ26の光軸上に配置されている。屈折型対物レンズ26の光軸上に配置されている。屈折型対物レンズ26の光軸上に配置されているレーザチップ21Bは、第2の波長 λ 2のレーザ光をビームスプリッタ(BS)23に入射させるようになされている。

【0036】屈折型対物レンズ26の光軸外に配置されているレーザチップ21Aは、第1の波長 \(\lambda\) 1のレーザ光をグレーティング22Aに向けて出射するようになされている。グレーティング22Aは、レーザチップ21Aからのレーザ光を、実質的に所定の本数(例えば3本)に分割し、それらのレーザ光をビームスプリッタ(BS)23に入射させるようになされている。

【0037】BS23は、グレーティング22Aまたはレーザチップ21Bからのレーザ光を透過させ、コリメータレンズ24に入射させるとともに、コリメータレンズ24より入射したレーザ光(光ディスク41A, 41Bからの反射光)を反射し、マルチレンズ27を介してホトディテクタ(PD)28に入射させるようになされ

ている。

【0038】コリメータレンズ24は、BS23からのレーザ光を平行光線に整え、ホログラフィック光学素子(HOE)25に入射させるとともに、ホログラフィック光学素子(HOE)25から入射した平行光線(反射光)を集束光にして、BS23に入射させるようになされている。

【0039】HOE25は、コリメータレンズ24から入射したレーザ光の波長が第2の波長 2である場合、そのレーザ光を実質的に回折させずにそのまま (0次回折光として)透過し、屈折型対物レンズ26に入射させるようになされている。屈折型対物レンズ26は、入射された波長 12のレーザ光を光ディスク41Bの記録面に、その基板を介して集光する。屈折型対物レンズ26は、光ディスク41Bの記録面に対して、その基板を介してレーザ光を集光したとき、最適な光スポットを形成するようにそのNAやパワーなどの設計が行われている。

【0040】また、HOE25は、コリメータレンズ24を介して光軸外から入射したレーザ光の-1次回折光(+1次回折光でもよい)を屈折型対物レンズ26の光軸上に案内(合成)する。このとき特別の処置を施さないと、コマ収差が発生してしまう。そこで、HOE25は、このコマ収差を相殺するように最適化がなされている。このため、HOE25は、その輪帯が同心円状ではあるが、偏心した状態で形成されている。なお、この点については、図5を参照して後述する。

【0041】さらに、上述したように、屈折型対物レンズ26は、例えば0.6mmの厚さの基板を有する光ディスク41Bに対して最適化が行われており、光ディスク41Bと異なる、例えば1.2mmの厚さの基板を有する光ディスク41Aにそのまま-1次回折光を集光すると、球面収差が発生する。そこで、HOE25は、この基板の厚さの差に応じて発生する球面収差もキャンセルするように最適化されている。

【0042】また、HOE25は、屈折型対物レンズ26から入射したレーザ光(反射光)の波長が第1の波長 1である場合、光ディスク41Aの基板の厚さと、光ディスク41Bの基板の厚さとの差に起因する球面収差を補正する角度だけ回折させた-1次回折光を、また、入射したレーザ光(反射光)の波長が第2の波長 12である場合、そのレーザ光を実質的に回折させずにそのまま(0次回折光を)透過し、それぞれコリメータレンズ24に入射させるようになされている。

【0043】屈折型対物レンズ26は、HOE25で回折したレーザ光を光ディスク41Aの記録面(情報記録層)に回折限界まで集束させるようになされている。また、屈折型対物レンズ26は、光ディスク41A,41Bで反射したレーザ光をHOE25に入射させるようになされている。

【0044】マルチレンズ27は、BS23より入射されたレーザ光にフォーカス制御のための非点収差を与え、ホトディテクタ(PD)28に入射させる。ホトディテクタ(PD)28は、複数の受光部を有し、各受光部において、光ディスク41A,41Bで反射して上述の光学系を介して入射した反射光を電気信号に変換し、その電気信号をPD出力信号として演算回路2に出力するようになされている。

【0045】図4は、ホトディテクタ28のパターンの 構成例を表している。同図に示すように、ホトディテク タ28は、CD用の(波長 l1の)反射光を受光するホ トディテクタ28Aと、DVD用の(波長22の)反射 光を受光するホトディテクタ28Bとにより構成されて いる。CD再生時、そのトラッキングは、いわゆる3ビ ーム法により行われるようになされているので、ホトデ ィテクタ28Aは、基本的に、受光素子61,62,6 3により構成されている。演算回路2は、受光素子61 の出力と受光素子62の出力の差からトラッキングエラ ー信号を演算する。また、受光素子63は、受光素子6 3 A 乃至 6 3 D に 4 分割されており、非点収差法に基づ くフォーカス制御を行うため、演算回路2は、受光素子 63Aと63Cの出力の和と、受光素子63Bと63D の出力の和の差から、フォーカスエラー信号を演算す る。

【0046】これに対して、DVD再生時には、そのトラッキングは、Differential PhaseDetection (DPD) 法により行われ、かつ、フォーカス制御は、非点収差法により行われるため、受光素子64が受光素子64A乃至64Dに4分割されている。演算回路2は、受光素子64Aと64Cの出力の和と、受光素子64Bと64Dの出力の和の差を演算し、フォーカスエラー信号を生成する。また、受光素子64Aと64Bの和(A+B)と、受光素子64Cと64Dの和(C+D)が求められ、さらにそれらの和((A+B)+(C+D))と差((A+B)-(C+D))の位相差からトラッキングエラー信号が生成される。

【0047】さらに、演算回路2は、CDのデータ検出信号は、受光素子63A乃至63Dの出力の和から求め、DVDのデータ検出信号は、受光素子64A乃至64Dの出力の和から求める。

【0048】ここで、HOE25について、さらに詳述する。HOE25の回折効率特性は、HOE25が入射光に等価的に与える位相差で表すことができる。図5に示すように、HOE25の回折部25Aの回折面に、光軸との交点Oを中心としたxy座標を設定するとき、球面収差を補正するための位相差関数は、交点Oを頂点とした光軸回りに回転対称特性を有する曲面で表される。この曲面は、図6 (A) に示す ϕ sで表される。この場合、 ϕ sは、次式で表される。

 $\phi s = C_1 r^2 + C_2 r^4 + C_3 r^6 + C_4 r^8 + \cdots$

但し、 $r^2 \equiv \neq x^2 + y^2$ であり、 C_1 , C_2 , ・・・は、定数である。

【0049】一方、光軸外に配置されているレーザチップ21Aからの光を光軸上に合成するためのHOE25の位相差関数 ϕ gは、図6 (B) に示すように直線的特性となり、次式で表される。

 $\phi g = C_0 y$

なお、Coは、定数である。

【0050】そこで、HOE25は、図6 (C) に示すように、光を合成するための機能と球面収差を補正するための機能を合わせ持つ次式で示す位相差関数を有するものとする。

 $\phi = \phi s + \phi g$

 $= C_0 y + C_1 r^2 + C_2 r^4 + C_3 r^6 + C_4 r^8 + \cdots$

【0051】図7は、HOE25の屈折型対物レンズ26側の表面を拡大して示している。このように、HOE25には、各段の高さがdである4段の階段形状の斜面部を有する鋸波形状の凹凸が同心円状に偏心して形成されている。この凹凸は、光ディスク41Aの記録面上において、最適な光スポットサイズが得られるように、最適な径で(即ち、光ディスク41Aに対して最適なNAになるように)形成されている。

【0052】即ち、HOE25の階段形状の段差部が形成されている範囲の径は、屈折型対物レンズ26のNAより小さい所定の値に設定されており、これにより、波長11の光(光ディスク41A)に対するNAが実質的に規定されている。なお、HOE25のコリメータレンズ24側の表面は平面を呈している。

【0053】HOE25の階段形状のピッチは、波長 1 のレーザ光を厚さ t 1 の基板を有する光ディスク41 Aに照射した場合に、厚さ t 2 の光ディスク41 B との基板厚の違いにより発生する球面収差と、波長の違いにより発生する軸上色収差を補正する所望の回折角が得られる値に設定されている。

【0054】また、HOE25の階段形状の段数Nと各段の高さd(段数Nと高さdでHOE25の高さ(深さ)((N-1)d)が規定される)は、 ν 一ザ光の波長 λ 1, λ 2の値に応じて設定されている。すなわち、凹凸における階段形状の段数Nは、次の式

 $N_0 = \lambda 1 / (q \times \lambda 1 - p \times \lambda 2)$ または $N_0 = \lambda 1 / (p \times \lambda 2 - q \times \lambda 1)$

(p, qは、所定の正の整数)で算出される N_0 の値(整数)に設定されている。あるいはまた、値 N_0 の近傍の整数であって、波長 λ 1に対する0次光の回折効率(入射光の光量と出射光の光量の比)が、1次光または-1次光の回折効率より小さくなる場合の値に設定される。要するに、Nと λ 1, λ 2の関係は、完全に最適化せずとも、実用上問題のない回折効率と迷光量の小ささを実現することができる範囲で設定される。

【0055】さらに、各段の高さdは、次の式

 $d_0 = p \times \lambda 2 / (n-1)$

(pは、所定の正の整数、nは、HOE25の屈折率)で算出される d_0 の値に設定されている($d=d_0$)。あるいはまた、値 d_0 の近傍の値であって、波長 λ 2に対する0次光の回折効率(入射光の光量と出射光の光量の比)が、1次光と-1次光の回折効率より大きくなる場合の値に設定される。

【0056】例えば、整数 p, qを p = 1, q = 1として算出された 1 段の高さが d_0 である N_0 段の凹凸を有する HOE 2 5 にレーザ光(平行光線)が入射した場合、HOE 2 5 は、各部の厚さに応じて、入射したレーザ光の位相を変化させる。第1の波長 λ 1 のレーザ光が入射した場合、図8 (a) に示すように、図7の領域 A を通過したレーザ光を基準として、図7の領域 B を通過したレーザ光には、約(3/2) π ラジアンの位相差を与え、図7の領域 C を通過したレーザ光には、約(6/2) π ラジアンの位相差を与え、図7の領域 D を通過したレーザ光には、約(9/2) π ラジアンの位相差を与える。

【0057】位相差は、 2π ラジアンの整数倍の位相を加減しても、元の位相差と等価であるので、図8 (a) の位相差を図8 (b) に示すように書き直すことができる。即ち、波長 λ 1のレーザ光がHOE25に入射した場合、領域Aを通過したレーザ光を基準として、領域Bを通過したレーザ光には、約 (1/2) π ラジアンの位相差が与えられ、領域Cを通過したレーザ光には、約 π ラジアンの位相差が与えられ、領域Dを通過したレーザ光には、約 π ラジアンの位相差が与えられ。 (3/2) π ラジアンの位相差が与えられる。このように、波長 λ 1のレーザ光は、入射したHOE25の部位に応じて位相差が与えられるので回折する。

【0058】一方、第20波長 λ 20レーザ光が入射した場合、図9(a)に示すように、図7の領域Aを通過したレーザ光を基準として、図7の領域Bを通過したレーザ光には、約 2π ラジアンの位相差が与えられ、図7の領域Cを通過したレーザ光には、約 4π ラジアンの位相差が与えられ、図7の領域Dを通過したレーザ光には、約 6π ラジアンの位相差が与えられる。

【0059】上述したように、位相差は、 2π ラジアンの整数倍の位相を加減しても、元の位相差と等価であるので、図9 (a) の位相差を図9 (b) に示すように書き直すことができる。即ち、波長 λ 2のレーザ光がHOE25に入射した場合、領域A乃至領域Dのうち所定の領域を通過したレーザ光と、他の領域を通過したレーザ光の位相差はほぼゼロである。従って、波長 λ 2のレーザ光は、HOE25で実質的に回折せずに、そのまま透過する。

【0060】このように、HOE2に対して、一方の波 長11に対してパワーを持たせ、他方の波長12に対し てパワーを持たせないようにすることで、それぞれの波 長の光を異なる位置に集束させ、異なる種類の光ディスクを再生する場合における屈折型対物レンズ26の移動量 (屈折型対物レンズ26の先端と光ディスクとの距離 (ワーキングディスタンス)の差)を低減させる (例えば0.2 mm以内にさせる)ことができる。

【0061】また、屈折型対物レンズ26は波長 20 光を光ディスク41 Bに集光するのに最適化されているので、収差は発生しない。さらに、屈折型対物レンズ26と光ディスク41 Aで発生する波長 21 の光に対する収差はHOE25で補正される。従って、いずれの波長の光も各光ディスク上に良好なスポット形状として集光させることができる。

【0062】図10は、HOE25の回折効率(入射光の光量と出射光の光量の比)の一例を示している。このような特性は、回折部25Aの階段の段数を4段(4ステップ)とし、1段(1ステップ)の高さdを、650 / (n-1) nmより若干低い方にシフトさせた状態に形成することで実現される。波長 λ 2においては、0次の回折光(即ち、透過光)の回折効率がほぼ90%を示しているので、第2の波長 λ 2のレーザ光は、その光量の90%が、0次の回折光としてHOE25を通過(透過)する。

【0063】このように、HOE25を通過する際の第2の波長 20レーザ光の光量の減衰は、10%であるので、HOE25を2回(光ディスク41Bへ向かうときと、光ディスク41Bから反射してきたとき)通過しても、第2の波長 22のレーザ光の光量は、約20%しか減衰せず、発生したレーザ光の光量の約80%を、光ディスクの再生または記録に利用することができる。

【0064】一方、波長 λ 1においては、-1次の回折 光の回折効率が約72%を示しているので、第1の波長 λ 1のレーザ光は、その光量が約72%に減衰して、-1次の回折光としてHOE25を所定の回折角だけ回折 して通過する。

【0065】このように、HOE25を通過する際、第 1の波長 1 のレーザ光の光量は、約72%に減衰する ので、HOE25を2回(光ディスク41Aへ向かうと きと、光ディスク41Aから反射してきたとき)通過し た後の第1の波長 11のレーザ光の光量は、約52%

 $(=0.72\times0.72\times100\%)$ となるが、光ディスクの記録または再生には充分な光量である。

【0066】なお、レーザチップ21A,21Bで発生するレーザ光の波長帯域は、充分狭く、実質的に単一波長の光と考えることができる。従って、HOE25で波長12の0次光を得ているとき、あるいは、波長11の-1次光を得ているとき、他の次数の不要な回折光は殆ど発生しない。従って、光のエネルギーの利用効率を向上させ、迷光の発生を抑制することができる。

【0067】また、HOE25の表面の凹凸を3段(N=3)以上にすることにより、光の利用効率(回折効

率)が良好なHOE25を作成することができ、特に、4段以上にすると、上述のようにレーザ光の利用効率 (回折効率)が高くなる。2段にすると、レーザ光の利用効率 (回折効率)が低くなるとともに、不要な1次の回折光が、再生または記録に利用される-1次の回折光と同じ回折効率で発生してしまい、迷光となるので好ましくない。

【0068】さらに、2段だと、波長 λ1と λ2の間隔が長くなり、波長 λ1を780nmの近傍に、かつ、波長 λ2を650nmの近傍に、それぞれ配置することが困難になる。4段にするとこれらの値の近傍に配置することができる。5段にした場合、波長 λ1と λ2をそれぞれ780nmまたは650nmに最も近い値にすることができる。ただし、HOE 25の4段の構造は、基板を2回マスキングしてエッチングすることにより製造することができるが、5段の構造は、金型などから製造することが必要となり、コスト高となる。

【0069】次に、図2と図3の実施の形態の動作について説明する。入力装置5を操作して、DVD41Bの再生を指令すると、制御回路4は、光源切り換え用回路8を制御し、図2に示すように、レーザチップ21Bを駆動させ、波長650nmのレーザ光を発生させる。このレーザ光は、BS23を介して、コリメータレンズ24に入射され、平行光に変換される。コリメータレンズ24は、このレーザ光をHOE25に入射する。

【0070】上述したように、HOE25は、入射光の 殆ど (90%) をそのまま透過する。すなわち、図11 に示すように、90%の0次回折光を出射する。屈折型 対物レンズ26は、入射されたレーザ光を集束し、DV D41Bに照射させる。屈折型対物レンズ26は、0.6mmの厚さの基板を介して、この0次回折光がDVD4 Bの記録面に照射されたとき発生する球面収差を補正するように適正化されている。従って、DVD41Bの記録面には、ほぼ回折限界まで集光された良好な光スポットが形成される。

【0071】DVD41Bの記録面で反射されたレーザ光は、屈折型対物レンズ26により集光され、平行光としてHOE25に入射される。HOE25においては、図12に示すように、入射されたレーザ光を実質的にそのまま通過させる。すなわち、0次回折光を出射する。ここでも、90%の回折効率であるため、入射光と反射光の2回の回折のため、戻り光のエネルギーは、入射光のエネルギーの約80%(=0.9×0.9×100%)となる。

【0072】この戻り光は、コリメータレンズ24により集束され、BS23に入射される。BS23は、入射された光を反射し、マルチレンズ27に出射する。マルチレンズ27は、入射されたレーザ光に非点収差を与えて、ホトディテクタ28に入射させる。

【0073】ホトディテクタ28においては、このよう

にしてDVD41Bより反射されて戻ってきたレーザ光が、ホトディテクタ28Bで受光される。演算回路2は、受光素子64Aと64Cの出力の和と、受光素子64Bと64Dの出力の和の差((A+C)-(B+D))から、フォーカスエラー信号を生成する。また、それぞれの出力の和((A+B)+(C+D))と差((A+B)-(C+D))の位相差から、トラッキングエラー信号が生成される。さらに、受光素子64A乃至64Dの出力の和からデータ検出信号が生成される。【0074】制御回路4は、演算回路2より供給されたフォーカスエラー信号とトラッキングエラー信号に対応して、それぞれフォーカスサーボ用アクチュエータ6とトラッキングサーボ用アクチュエータ7を制御し、フォーカスサーボとトラッキングサーボを制御する。

【0075】また、データ検出信号は、再生回路3に入力され、復調された後、再生信号として図示せぬ回路に出力される。

【0076】一方、入力装置5を制御して、CD41Aの再生を指令すると、制御回路4は、光源切り換え用回路8を制御し、図3に示すように、レーザチップ21Aを駆動し、波長を780nmのレーザ光を出射させる。このレーザ光は、グレーティング22Aに入射され、実質的に3本のレーザ光に分割される(3ビーム法によるトラッキング制御のため)。そして、この3本のレーザ光は、BS23、コリメータレンズ24を介して、HOE25に入射される。

【0077】レーザチップ21Aは、屈折型対物レンズ26の光軸外に配置されているので、このレーザ光は、HOE25に光軸外から入射される。そこで、図13に示すように、このHOE25は、入射されたレーザ光を回折し、入射光の約70%のエネルギーの-1次回折光を光軸上の光として出射する。

【0078】この-1次回折光は、屈折型対物レンズ26により集束され、1.2mmの厚さを有する基板を介して、CD41Aの情報記録面上に集束、照射される。屈折型対物レンズ26は、厚さが0.6mmの基板を有するDVD41Bを再生する場合に、球面収差が相殺されるように最適化が行われている。従って、1.2mmの厚さの基板を有するCD41Aを再生する場合、球面収差が発生してしまう。HOE25は、この球面収差が発生してしまう。HOE25は、この球面収差が補正するように設計されている。また、HOE25は、光軸外から入射されてきた光を、光軸上の光として出射する場合に発生するコマ収差を補正するように設計されている。従って、CD41Aの情報記録面上には、レーザ光が、その回折限界まで集光され、最適な光スポットが形成される。

【0079】CD41Aの情報記録面で反射されたレーザ光は、屈折型対物レンズ26により集光され、HOE25に入射される。図14に示すように、HOE25においては、CD41Aの情報記録面上のデータにより変

調されたレーザ光が回折され、-1次回折光として再び 光軸外に出射される。この場合にも、-1次回折光は、 CD41Aから入射された反射光の約70%のエネルギーのものとなるから、結局、レーザチップ21Aより出 射されたレーザ光のエネルギーの約49% (=0.7× 0.7×100%) が利用されることになる。

【0080】HOE25より出射されたレーザ光は、図3に示すように、光軸外の光路上をコリメータレンズ24に入射され、集束された後、BS23に入射され、そこで反射され、マルチレンズ27に入射される。さらに、マルチレンズ27で非点収差が与えられたレーザ光は、ホトディテクタ28に入射される。

【0081】ホトディテクタ28においては、このレーザ光が、図4に示すホトディテクタ28Aで受光される。グレーティング22Aで3本に分割されたレーザ光のうち、中央のレーザ光の反射光は、受光素子63で受光され、その前後に配置されている2つのレーザ光は、受光素子61と受光素子62で、それぞれ受光される。演算回路2は、受光素子61の出力と62の出力の差からトラッキングエラー信号を生成し、受光素子63Bと63Dの出力の和の差から、フォーカスエラー信号を生成する。また、受光素子63A乃至63Dの出力の和から、データ検出信号を生成する。

【0082】屈折型対物レンズ26の有効瞳半径は、DVD41Bを再生する場合に最適なNA(NA=0.6)が得られるように定められている。これに対して、CD41Aの最適なNAは、約0.45とされている。そこで、この最適なNAが得られるように、HOE25の回折部25Aの形成されている領域は、屈折型対物レンズ26の有効瞳領域より狭い範囲とされている。その結果、図13に示すように、回折部25Aの外周の回折部25Aが形成されていない領域を透過したレーザ光が、不要光としてCD41Aに入射され、その反射光が、図14に示すように、再び戻ってきて、その一部がホトディテクタ28Aに入射され、サーボ信号などに若干の影響を及ぼすおそれがある。しかしながら、その光は小さく、またその光は、大きな収差を有するものであるため、実用上殆ど無視することが可能である。

【0083】図2と図3に示した構成を、図32と図33に示した構成と比較して明らかなように、本実施の形態においては、レーザチップ21Bを屈折型対物レンズ26の光軸上に配置し、レーザチップ21Aを光軸外に配置し、その光軸外に配置したレーザチップ21Aからのレーザ光を、HOE25で光軸上に案内するようにしたので、図32と図33に示した光路合成(光軸分割)のためのダイクロイックプリズム113が不要となる。その結果、部品点数を少なくすることができるだけでなく、図32と図33に示すように、2つの放射光源111Aと111Bの両方を光軸上に配置するようにする

と、それぞれをほぼ垂直な関係に配置しなければならな くなるため、装置が大型化してしまうことになるが、2 つの光源のうちの一方を光軸外に配置するようにしたの で、2つを比較的近接して1つのパッケージ内に配置す ることができ、より小型化が可能となる。

【0084】図15と図16は、図2と図3に示した光 学ピックアップ部をさらに小型化した場合の構成を示し ている。図15は、DVD41B再生時の光路を示し、 図16は、CD41A再生時の光路を示している。この 構成例においては、図2と図3におけるグレーティング 22A、BS23、コリメータレンズ24、およびマル チレンズ27が省略された構成とされている。そして、 さらに、レーザチップ21A, 21Bと、ホトディテク タ28が複合レーザカップラ (LC) 71としてまとめ られた構成とされている。

【0085】そして、CD41Aを再生する場合には、 フォーカスエラー信号は、差動同心円法により生成さ れ、トラッキングエラー信号は、プッシュプル法(トッ プホールドプッシュプル法)により生成される。また、 DVD41Bを再生する場合には、フォーカスエラー信 号は、CDを再生する場合と同様に、差動同心円法によ り生成されるが、トラッキングエラー信号は、DPD法 により生成される。

【0086】図17は、複合LC71の外観構成を示 し、図18は、複合LC71の断面構成を表している。 【0087】これらの図に示すように、レーザチップ2 1Aと21Bは、ベース72に所定の距離を隔てて固定 されている。そして、これらのレーザチップ21Aと2 1 Bより出射されたレーザ光は、マイクロプリズム73 の面73Aで反射されて、HOE25、屈折型対物レン ズ26を介して、CD41AまたはDVD41Bに照射 される。

【0088】そして、これらのCD41AまたはDVD 41 Bより反射されたレーザ光が、屈折型対物レンズ2 6、HOE25を介して、複合LC71のマイクロプリ ズム73に入射される。そして、この入射されたレーザ 光は、面73Aからマイクロプリズム73の内部に進入 し、マイクロプリズム73の底面に配置されているホト ディテクタ28-1上に照射される。また、その一部の 光は、ホトディテクタ28-1で反射され、マイクロプ

> $F_1 = ((B+b) + (C+c)) - ((A+a) + (D+d))$ $F_2 = (G+F) - (E+H)$ $F_3 = F_1 - F_2$ $= (\{ ((B+b) + (C+c)) - ((A+a) + (D+d)) \}$ $-\{(G+F)-(E+H)\}$

【0095】また、DVD再生時においてDPD法によ りトラッキングエラー信号を生成する場合、演算回路2 は、次式を演算する。

P = A + BQ = C + D

)

リズム73の上面73Bの結像点で結像される。この結 像点は、発光点としてのレーザチップ21A,21Bと 共役な関係の位置にある。そして、結像点で(上面73 Bで) 反射されたレーザ光が、さらにマイクロプリズム 73の底面に設けられているもう1つのホトディテクタ 28-2に入射される。

【0089】図19は、マイクロプリズム73の底面に 取り付けられているホトディテクタ28-1と28-2 の上面から見た構成を示している。同図に示すように、 CD信号検出用のホトディテクタ28Aは、ホトディテ クタ28-1を構成する受光素子60-1と、ホトディ テクタ28-2を構成する受光素子60-2により構成 されている。これらの受光素子60-1と60-2は、 それぞれ受光素子60-1A乃至60-1Dと、受光素 子60-2A乃至60-2Dの4つに分割されている。

【0090】DVD信号検出用のホトディテクタ28B は、ホトディテクタ28-1を構成する受光素子64-1とホトディテクタ28-2を構成する受光素子64-2により構成されている。受光素子64-1は、受光素 子64-1A乃至64-1Hに8分割されており、受光 素子64-2は、受光素子64-2A乃至64-2Dに 4分割されている。

【0091】演算回路2は、CD信号検出用のホトディ テクタ28Aの出力から差動同心円法に基づいてフォー カスエラー信号を生成する場合、次式を演算する。

 $F_1 = (B+C) - (A+D)$ $F_2 = (G+F) - (E+H)$ $F_2 = F_1 - F_2 = \{ (B+C) - (A+D) \} - \{ (G$ +F) - (E+H)

【0092】ジャストフォーカス状態のとき、これらの 信号F₁乃至F₃は、いずれもOとなり、ディスクニアの とき、F₁とF₃は、負となり、F₂は、正となる。これ に対して、ディスクファーのとき、F₁とF₃は、正とな り、F2は、負となる。

【0093】プッシュプル方式のトラッキングエラー信 号Tは、次式から演算される。

T = (A+B+E+F) - (C+D+G+H)

【0094】一方、DVD再生時における差動同心円法 に基づくフォーカスエラー信号は、CD再生時における 場合と同様に、次のように演算される。

R = c + dS = a + b

[0096] -200と、 (P+S) - (Q+R) の位相差を検波すること で、トラッキングエラー信号が生成される。

【0097】図20と図21は、光ビックアップ部1のさらに他の構成例を示している。図20は、DVD再生時における光路を示しており、図21は、CD再生時における光路を表している。その基本的な構成は、図2と図3に示した場合と同様であるが、HOE25の特性と、ホトディテクタ28のパターンの構成が、図2と図3に示した場合と異なっている。

【0098】図22は、図20と図21に示すHOE25の回折効率を示している。この場合においては、1段の高さdは、650/(n-1)nmより若干高い側にシフトされている。この場合においては、650nmの波長のレーザ光が入射された場合、約87%の光は0次回折光としてそのまま出射される。その他の次数の回折光は、0次回折光に較べて、その強度が充分小さくなっている。

【0099】また、波長が780nmのレーザ光が入射された場合には、その40%程度の光が、-1次回折光としてHOE25により回折を受け、40%程度の光は、0次回折光として、そのままHOE25を透過する。その他の次数の光は、0次回折光または-1次回折光に較べて充分小さくなっている。この場合、CDの光スポットとDVDの光スポットが光学的に同一位置となるように、輪帯形状を最適化し、同一のホトディテクタで信号を検出することができる。

【0100】図23は、図20と図23に示すホトディテクタ28の受光素子のパターンを示している。同図に示すように、この例においては、ホトディテクタ28は、図4に示したCDのレーザ光検出用のホトディテクタ28Aと実質的に同一に形成されている。そして、このホトディテクタ28は、CD用のレーザ光だけでなく、DVD用のレーザ光も受光するようになされている。

【0101】図20に示すように、DVD41Bを再生している場合には、レーザチップ21Bより出射された650nmの波長の光がHOE25に入射されると、その約87%の光が、0次回折光として、屈折型対物レンズ26を介して、DVD41Bに入射される。DVD41Bで反射されたレーザ光は、屈折型対物レンズ26により集束され、再びHOE25に入射される。この場合も、入射されたレーザ光のうち、約87%のレーザ光が、0次回折光として、そのまま出射される。従って、結局、約76%の光が再生に利用されることになる。

【0102】HOE25より出射されたレーザ光は、コリメータレンズ24、PB23、マルチレンズ27を介して、ホトディテクタ28の受光素子63に入射される。演算回路2は、受光素子63A乃至63Cの出力から、非点収差法に基づいて、フォーカスエラー信号を演算し、DPD法に基づいて、トラッキングエラー信号を生成する。

【0103】一方、図21に示すように、780nmのレ

ーザ光がレーザチップ21Aより出射されると、このレーザ光は、グレーティング22Aにより、実質的に3つに分割され、PB23、コリメータレンズ24を介して、HOE25に入射される。HOE25では、図24に示すように、光軸外から入射されたレーザ光のうち、その40%が、-1次回折光として、光軸上に出射され、その約40%が、0次回折光として、光軸上に出射され、その約40%が、0次回折光として、光軸上に出射され、その約40%が、0次回折光は、HOE25が、コマ収差や非点収差、並びにディスク基板の厚さの違いによる球面収差などを相殺するように最適化されているため、屈折型対物レンズ26を介して、CD41A上に、収差のない良好な光スポットを形成する。なお、このスポットの位置は、DVD用のレーザチップ21Bの発光点と共役な位置になるように定めておく。

【0104】HOE25より出射された-1次回折光 は、屈折型対物レンズ26を介して、CD41Aに入射 され、そこに記録されている記録データに対応して変調 される。その変調光が、CD41Aで反射され、屈折型 対物レンズ26で集束されて、再びHOE25に入射さ れる。このとき、図25に示すように、HOE25で は、入射された光の40%が、-1次回折光として、光 軸外に出射され、その40%が、0次回折光として、そ のまま光軸上を透過する。この0次回折光は、コリメー タレンズ24、BP23、マルチレンズ27を介して、 ホトディテクタ28に入射される。いまの場合、グレー ティング22Aにより、光は、実質的に3本に分割され ているので、それぞれが受光素子61乃至63により受 光される。そして、演算回路2により、フォーカスエラ ー信号は、非点収差法に基づいて演算され、トラッキン グエラー信号は、3ビーム法の原理により生成される。 【0105】この例においては、HOE25を透過し、 再生用の光として利用される光のエネルギーは、CD4 1Aに入射される光の約16% (=0.4×0.4×1 00%)となる。

【0106】図24に示すように、光軸外から入射したレーザ光の40%が0次回折光として、そのままHOE25を透過する。また、HOE25の回折部25Aの外間を透過する光もある。これらの光は、いずれも不要光となるが、その一部は、CD41Aで反射され、図25に示すように、再びHOE25に入射される。HOE25を0次回折光として透過した光の反射光は、HOE25において、再び入射された成分の40%が、0次回折光として、そのままHOE25を透過し、その40%が、一1次回折光として、HOE25より出射される。しかしながら、これらの成分は、いずれも光軸外の成分であるため、ホトディテクタ28には入射されない。また、回折部25Aの外周を透過した成分もホトディテクタ28には入射されないので、これらの信号によりサーボ信号などが悪影響を受けるおそれは少ない。

【0107】この構成例によれば、上述した図2と図3

の構成例より、光量は少なくなるが、迷光も少なくなり、また、ホトディテクタのパターンを簡略化することが可能となる。その結果、より小型化が可能となる。

【0108】図26と図27は、図20と図21に示した光ピックアップ部をより簡略化した場合の構成例を示している。図26は、DVD再生時の光路を表し、図27は、CD再生時の光路を表している。この構成例においても、図20と図21におけるPB23、コリメータレンズ24、およびマルチレンズ27が省略されて、レーザチップ21A,21Bとホトディテクタ28が、複合LC71として、1つのパッケージ内に収容されている。

【0109】図28は、複合LC71におけるホトディテクタ28のパターンを表している。このパターンは、図19に示したDVD信号検出用ホトディテクタ28Bと実質的に同一の構成とされている。但し、図28に示すパターンでは、DVD用の光だけではなく、CD用の光も受光される。演算回路2は、フォーカスエラー信号は、CD再生時における場合も、DVD再生時における場合も、差動同心円法に基づき求めるが、トラッキングエラー信号は、CD再生時には、プッシュプル法による演算から生成し、DVD再生時には、DPD法による演算から生成する。

【0110】このように構成することで、図19に示した場合に較べて、CD信号検出用のホトディテクタ28 Aが不要となる分、さらに小型化することが可能となる。

【0111】なお、本発明は、再生だけでなく、情報を記録する場合にも適用が可能である。

[0112]

\

【発明の効果】以上のごとく、請求項1に記載の記録再生装置および請求項13に記載の記録再生方法によれば、異なる長さの波長の光を発生する発生手段の一方を光軸上に配置し、他方を光軸外に配置するようにし、光軸外から入射される光のコマ収差を補正するようにしたので、DVDだけでなく、CD-Rを含むCDを再生することが可能な、より小型の装置を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の記録再生装置の一実施の形態の構成例 を示すブロック図である。

【図2】図1の実施の形態の光ピックアップ部1の構成例を示す図である。

【図3】図1の実施の形態の光ピックアップ部1の構成例を示す図である。

【図4】図2のホトディテクタ28の受光素子のパターンを示す図である。

【図5】図2のホログラフィック光学素子25の構成例を示す図である。

【図6】球面収差とコマ収差の補正を説明する図であ

る。

【図7】図2のホログラフィック光学素子25の一例の 一部を拡大した断面図である。

【図8】図2のホログラフィック光学素子25を通過した波長 λ 1のレーザ光の位相特性の一例を示す図である。

【図9】図2のホログラフィック光学素子25を通過した波長 20レーザ光の位相特性の一例を示す図である。

【図10】図2のホログラフィック光学素子25の回折 効率特性を示す図である。

【図11】図2のホログラフィック光学素子25に第2の波長のレーザ光が入射した場合の動作を説明する図である。

【図12】図2のホログラフィック光学素子25にディスクからの反射光が入射した場合の動作を説明する図である。

【図13】図3のホログラフィック光学素子25に光軸 外から光が入射した場合の動作を説明する図である。

【図14】図3のホログラフィック光学素子25にディスクからの反射光が入射された場合の動作を説明する図である。

【図15】図1の実施の形態の光ピックアップ部1の他の構成例を示す図である。

【図16】図1の実施の形態の光ピックアップ部1の他の構成例を示す図である。

【図17】図15の複合LC71の外観の構成を示す斜 視図である。

【図18】図15の複合LC71の内部の構成を示す断面図である。

【図19】図15の複合LC71におけるホトディテク タ28のパターンを示す図である。

【図20】図1の実施の形態の光ピックアップ部1のさらに他の構成例を示す図である。

【図21】図1の実施の形態の光ピックアップ部1のさらに他の構成例を示す図である。

【図22】図20のホログラフィック光学素子25の回 折効率特性を示す図である。

【図23】図20のホトディテクタ28の受光素子のパターンを示す図である。

【図24】図21のホログラフィック光学素子25に光 軸外からの光が入射されたときの動作を説明する図であ る。

【図25】図21のホログラフィック光学素子25のディスクからの反射光が入射された場合の動作を説明する図である。

【図26】図1の実施の形態の光ピックアップ部1のさらに他の構成例を示す図である。

【図27】図1の実施の形態の光ピックアップ部1のさらに他の構成例を示す図である。

【図28】図26の複合LC71における受光素子のパターンを示す図である。

【図29】従来の二重焦点ホログラフィック光学素子の 光路を説明する図である。

【図30】図29のホログラフィック光学素子101の 構成を示す図である。

【図31】図29のホログラフィック光学素子101に 光が入射された場合の動作を説明する図である。

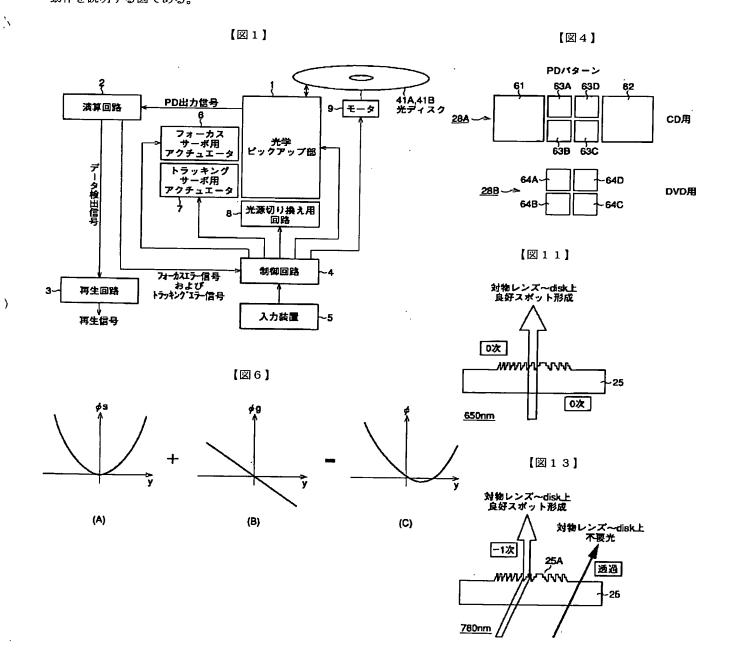
【図32】従来の光ピックアップ部の構成例を示す図である。

【図33】従来の光ピックアップ部の構成例を示す図である。

【図34】図32のホログラフィック光学素子117の 動作を説明する図である。 【図35】図33のホログラフィック光学素子117の 動作を説明する図である。

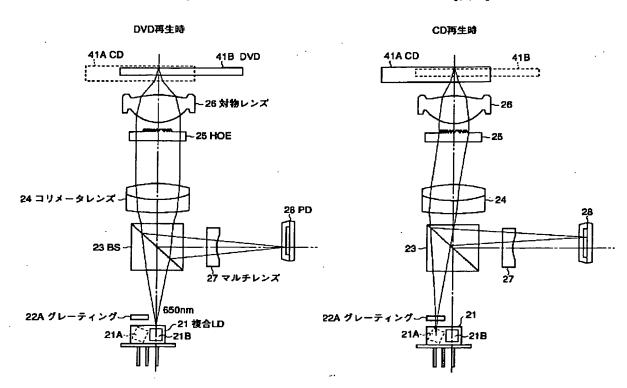
【符号の説明】

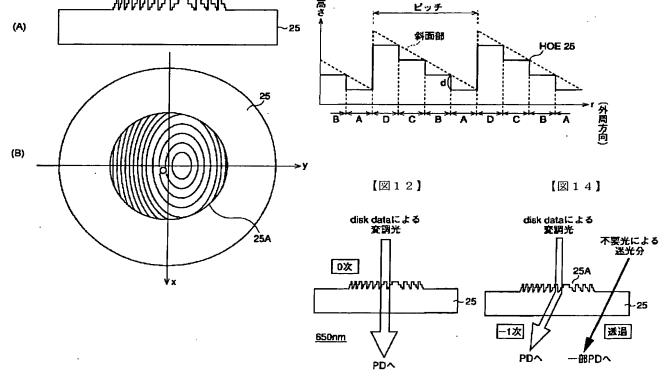
1 光学ピックアップ部, 2 演算回路, 3 再生 回路, 4 制御回路, 5 入力装置、 6 フォー カスサーボ用アクチュエータ, 7 トラッキングサー ボ用アクチュエータ, 8 光源切り換え用回路, 21A, 21B レーザチップ, 2 2 A グレーティング, 23 ビームスプリッタ (B S), 24 コリメータレンズ. 25 ホログラフ イック光学素子 (HOE), 26 屈折型対物レン ズ, 28 ホトディテクタ (PD), 41A CD, 41B DVD



【図2】

【図3】









JP10289468

Biblio





OPTICAL PICKUP DEVICE AND LIGHT SOURCE UNIT FOR THE

Patent Number:

JP10289468

Publication date:

1998-10-27

Inventor(s):

YAGI KATSUYA

Applicant(s)::

KONICA CORP

Requested Patent:

JP10289468

Application Number: JP19970092081 19970410

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B7/135

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify the assembling of a device by unitizing first and second light sources for performing recordings/reproductions of first and second information recording mediums and a changing means changing luminous fluxes emitted from these light sources and/or a luminous flux reflected on information recording surface. SOLUTION: A unit 60 is unitized by providing a first semiconductor laser 11, a second semiconductor laser 12 and a photodetecting means 50 on the substrate 61 of the unit 60. Consequently, at the time of assembling an optical pickup device, it is not performed that receptive parts are assembled while being respectively adjusted but unitized members can be built-in in the device only by attaching this unit 60 to the device. Moreover, the maintaining of conjugate property is made easy because the change amount in dimension due to mechanical stress, secular change and a temp. change becomes small and the first and second semiconductor lasers 11, 12 and the photodetecting means 50 become to be on adjacent optical paths when they are seen from a changing means 40 by making respective parts be in proximity.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

This Page Blank (uspto)

- (19)【発行国】日本国特許庁 (JP)
- (12)【公報種別】公開特許公報 (A)
- (11) 【公開番号】特開平10-289468
- (43)【公開日】平成10年(1998)10月27日
- (54) 【発明の名称】光ピックアップ装置及びその光源ユニット
- (51)【国際特許分類第6版】

G11B 7/135

[FI]

G11B 7/135

Z

【審査請求】未請求

【請求項の数】13

【出願形態】OL

【全頁数】11

- (21) 【出願番号】特願平9-92081
- (22) 【出願日】平成9年(1997)4月10日
- (71)【出願人】

)

)

【識別番号】00001270

【氏名又は名称】コニカ株式会社

【住所又は居所】東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(72)【発明者】

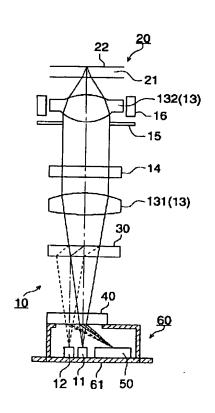
【氏名】八木 克哉

【住所又は居所】東京都八王子市石川町2970番地コニカ株式会社内

(57)【要約】

【課題】 複数の光情報記録媒体を記録/再生する光ピックアップ装置において、装置の組立の簡略化、作業効率の向上を図るとともに、温度変化、経年変化に対して強い光ピックアップ装置およびその光源ユニットを提供することを課題とする。

【解決手段】 第1光情報記録媒体の記録/再生を行うための第1光源11と、第2光情報記録媒体の記録/再生を行うための第2光源12と、情報記録面から反射した光束を受光し検出する光検出手段50とを、ユニット60化したことを特徴とする光ピックアップ装置10。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光源から出射した光束を集光光学系で光情報記録媒体の透明基板を介して情報記録面に集光させ、情報記録面上に情報を記録又は情報記録面上の情報を再生する(記録/再生)光ピックアップ装置であって、前記光情報記録媒体として、透明基板の厚さがt1の第1光情報記録媒体と透明基板の厚さがt2(ただし、 $t2 \neq t1$)の第2光情報記録媒体とが用いられる光ピックアップ装置において、

第1光情報記録媒体の記録/再生を行うための第1光源 と、

第2光情報記録媒体の記録/再生を行うための第2光源 と、

情報記録面から反射した光束を受光し検出する光検出手 段と、

光源から出射した光東を光情報記録媒体へと導くとともに、光情報記録媒体の情報記録面で反射した光東を前記 光検出手段へと導くように、光源から出射した光東及び /又は情報記録面で反射した光東を変更する変更手段 と、を有し、

前記第1光源、前記第2光源及び前記光検出手段を、ユニット化したことを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項2】 前記第1光源、前記第2光源及び前記光 検出手段を隣接配置したことを特徴とする請求項1に記 載の光ピックアップ装置。

【請求項3】 前記第1光源、前記第2光源、前記光検 出手段のうち、少なくとも1つを、ユニット内の位置を 調整できるよう構成したことを特徴とする請求項1又は 2に記載の光ピックアップ装置。

【請求項4】 前記変更手段を、前記第1光源、前記第2光源及び前記光検出手段とともにユニット化したことを特徴とする請求項1~3のいずれか1つに記載の光ピックアップ装置。

【請求項5】 前記変更手段は、ホログラムにより構成されていることを特徴とする請求項1~4のいずれか1つに記載の光ピックアップ装置。

【請求項6】 前記第1光源又は前記第2光源のうち一方の光源から出射した光束は、前記集光光学系に斜方から入射することを特徴とする請求項1~5のいずれか1つに記載の光ピックアップ装置。

【請求項7】 前記斜方から入射する光源は、光情報記録媒体の記録/再生に必要な集光光学系の光情報記録媒体側の開口数が小さい方の光情報記録媒体の記録/再生を行うための光源であることを特徴とする請求項6に記載の光ピックアップ装置。

【請求項8】 前記第1光源から出射した光東と、前記第2光源から出射した光東を合成する合成手段を有することを特徴とする請求項1~5のいずれか1つに記載の光ピックアップ装置。

【請求項9】 前記合成手段を、前記第1光源、前記第

2 光源及び前記光検出手段とともにユニット化したことを特徴とする請求項8 に記載の光ピックアップ装置。

【請求項10】 前記変更手段と前記合成手段は、一つの光学部材の一方面に形成された変更手段として機能するホログラムと、他方面に形成された合成手段として機能するホログラムとで構成されることを特徴とする請求項8又は9に記載の光ピックアップ装置。

【請求項11】 前記合成手段を、前記変更手段より光情報記録媒体側に配置したことを特徴とする請求項8~10のいずれか1つに記載の光ピックアップ装置。

【請求項12】 前記合成手段は、光情報記録媒体の記録/再生に必要な集光光学系の光情報記録媒体側の開口数が小さい方の光情報記録媒体の記録/再生を行うための光源から出射された光束の光路を変更して、他方の光源から出射された光束と合成することを特徴とする請求項8~11のいずれか1つに記載の光ピックアップ装置。

【請求項13】 第1半導体レーザと、第1半導体レーザとは異なる波長の第2半導体レーザとが一体化された 光ピックアップ装置の光源ユニットにおいて、

前記第1半導体レーザの光出射方向と前記第2半導体レーザの光出射方向とが同じ方向であり、前記第1半導体レーザと前記第2半導体レーザとは導電層を挟んで積層したことを特徴とする光ピックアップ装置の光源ユニット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光源から出射した 光束を集光光学系で光情報記録媒体の透明基板を介して 情報記録面に集光させ、情報記録面上に情報を記録又は 情報記録面上の情報を再生する(記録/再生)光ピック アップ装置及びその光源ユニットに関し、特に、透明基 板の厚さが異なる複数の光情報記録媒体の記録/再生を する光ピックアップ装置及びその光源ユニットに関す る。

[0002]

【従来の技術】近年、短波長赤色半導体レーザの実用化に伴い、光情報記録媒体(以下、光ディスクともいう)として、従来のCD(コンパクトディスク)と同程度の大きさで大容量化させた高密度のDVD(デジタルビデオディスク)が商品化されている。このDVDでは、635 n m若しくは650 n mの短波長半導体レーザを使用したときの対物レンズの光ディスク側の開口数を約0.6を必要とする。なお、DVDは、トラックピッチ0.74 μ m、最短ピット長0.4 μ mであり、CDのトラックピッチ1.6 μ m、最短ピット長0.83 μ m に対して半分以下に高密度化されている。

【0003】この新たな光ディスクであるDVDを記録 /再生する光ピックアップ装置には、透明基板の厚さが 0.6mmのDVDに対して、透明基板の厚さが1.2 mmのCDとの互換性が要求され、種々の検討がなされている。その一つとして、特開平7-57271号公報に記載されるような1つの短波長半導体レーザ(光源)と1つの集光光学系でDVDおよびCDの再生を行う光ピックアップ装置が提案されている。

【0004】また、近年、書き込み可能な光ディスクであるCD-R(追記型コンパクトディスク)の普及に伴い、光ピックアップ装置として、このCD-Rとの互換性をも要求されている。ところが、上記公報に記載されるような短波長半導体レーザ1つを光源として用いた光ピックアップ装置では、CD-Rに対して記録/再生ができない。これは、CD-Rの反射率が短波長側では低下しており、必要とする信号(再生信号、フォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号)が得られないためである。

【0005】そこで、特開平8-55363号公報に記載されるように、光学系を1つとした上で、光源を対応する光ディスク毎 (DVD用とCD-R用) に2つ設けた光ピックアップ装置が提案されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、光ピックアップ装置では精密な精度で組立が要求されるところ、このように、光ピックアップ装置の部品点数を増やすと、精密な精度で組立をすることが難しくなるばかりでなく、組立に要する作業効率が悪化し、生産性が低下する。さらに、これら部品各々を光ピックアップ装置内で離散した状態で固定すると、温度変化(熱)、経年変化によりそれぞれが変化(変形)し、所定の配置とは異なる配置となり、所期の性能を果たさなくなるという問題が生じる。

【0007】そこで、本発明では、複数の光情報記録媒体を記録/再生する光ピックアップ装置において、装置の組立の簡略化、作業効率の向上を図るとともに、温度変化、経年変化に対して強い光ピックアップ装置およびその光源ユニットを提供することを課題とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

(1) 光源から出射した光束を集光光学系で光情報記録媒体の透明基板を介して情報記録面に集光させ、情報記録面上に情報を記録又は情報記録面上の情報を再生する(記録/再生)光ピックアップ装置であって、前記光情報記録媒体と透明基板の厚さがt1の第1光情報記録媒体と透明基板の厚さがt2(ただし、t2≠t1)の第2光情報記録媒体とが用いられる光ピックアップ装置において、第1光情報記録媒体の記録/再生を行うための第1光源と、第2光情報記録媒体の記録/再生を行うための第2光源と、情報記録媒体の記録/再生を行うための第2光源と、情報記録媒体の記録/再生を光情報記録媒体へと導くとともに、光情報記録媒体の情報記録面で反射した光束を前記光検出手段へと導くよ

うに、光源から出射した光東及び/又は情報記録面で反射した光東を変更する変更手段と、を有し、前記第1光源、前記第2光源及び前記光検出手段を、ユニット化したことを特徴とする光ピックアップ装置。

【0009】(2) 前記第1光源、前記第2光源及び前記光検出手段を隣接配置したことを特徴とする(1)に記載の光ピックアップ装置。

【0010】(3)前記第1光源、前記第2光源、前記 光検出手段のうち、少なくとも1つを、ユニット内の位 置を調整できるよう構成したことを特徴とする(1)又 は(2)に記載の光ピックアップ装置。

【0011】 (4) 前記変更手段を、前記第1光源、前記第2光源及び前記光検出手段とともにユニット化したことを特徴とする (1) \sim (3) のいずれか1つに記載の光ピックアップ装置。

【0012】(5)前記変更手段は、ホログラムにより構成されていることを特徴とする(1) \sim (4)のいずれか1つに記載の光ピックアップ装置。

【0013】(6)前記第1光源又は前記第2光源のうち一方の光源から出射した光東は、前記集光光学系に斜方から入射することを特徴とする(1)~(5)のいずれか1つに記載の光ピックアップ装置。

【0014】(7)前記斜方から入射する光源は、光情報記録媒体の記録/再生に必要な集光光学系の光情報記録媒体側の開口数が小さい方の光情報記録媒体の記録/再生を行うための光源であることを特徴とする(6)に記載の光ピックアップ装置。

【0015】(8)前記第1光源から出射した光束と、前記第2光源から出射した光束を合成する合成手段を有することを特徴とする(1) \sim (5)のいずれか1つに記載の光ピックアップ装置。

【0016】(9)前記合成手段を、前記第1光源、前記第2光源及び前記光検出手段とともにユニット化したことを特徴とする(8)に記載の光ピックアップ装置。

【0017】(10)前記変更手段と前記合成手段は、一つの光学部材の一方面に形成された変更手段として機能するホログラムと、他方面に形成された合成手段として機能するホログラムとで構成されることを特徴とする(8)又は(9)に記載の光ピックアップ装置。

【0018】(11)前記合成手段を、前記変更手段より光情報記録媒体側に配置したことを特徴とする(8)~(10)のいずれか1つに記載の光ピックアップ装置。

【0019】(12)前記合成手段は、光情報記録媒体の記録/再生に必要な集光光学系の光情報記録媒体側の開口数が小さい方の光情報記録媒体の記録/再生を行うための光源から出射された光束の光路を変更して、他方の光源から出射された光束と合成することを特徴とする(8)~(11)のいずれか1つに記載の光ピックアップ装置。

【0020】(13)第1半導体レーザと、第1半導体レーザとは異なる波長の第2半導体レーザとが一体化された光ピックアップ装置の光源ユニットにおいて、前記第1半導体レーザの光出射方向と前記第2半導体レーザの光出射方向とが同じ方向であり、前記第1半導体レーザと前記第2半導体レーザとは導電層を挟んで積層したことを特徴とする光ピックアップ装置の光源ユニット。【0021】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明を説明する。なお、以下に説明する際の図面中の一点鎖線は光軸を表すものとし、細線は第1光源から出射した光束(ただし、絞りによって制限された周縁光線)を、破線は第2光源から出射した光束(ただし、絞りによって制限された周縁光線)を表している(ただし、第2光源から出射した光束のうち第1光源から出射した光束と同じ場合は、細線で表している)。

【0022】 (第1の実施の形態) 第1の実施の形態について説明する。図1は光ピックアップ装置10の概略構成図である。

【0023】本実施の形態のピックアップ装置10は、 光情報記録媒体である光ディスク20として透明基板2 1の厚さの異なる複数の光ディスク20を記録/再生

(光ディスク20の情報記録面22上に情報を記録又は 情報記録面22上の情報を再生することを、記録/再生 ともいう) するものである。以下、この複数の光ディス ク20は、透明基板の厚さ t 1の第1光ディスクと、第 1光ディスクの透明基板の厚さ t 1 とは異なる厚さ t 2 の第2光ディスクとして説明する。また、第1光ディス クの記録/再生するために必要な集光光学系(後述す る) の光ディスク側の必要開口数をNA1とし、第2光 ディスクの記録/再生するために必要な集光光学系の光 ディスク側の必要開口数をNA2とする(以下の説明で は、第1光ディスクは、第2光ディスクより高密度の情 報記録媒体であるので、NA1>NA2である)。な お、以下の説明中で、DVD(含DVD-RAM)とは 第1光ディスクを指しており、この場合、透明基板の厚 さt 1=0. 6 mmであり、CD (含CD-R) とは第 2光ディスクを指しており、この場合、 t 2=1. 2 m m (すなわち、t1<t2) である。

【0024】本実施の形態のピックアップ装置10では、光源として第1光源である第1半導体レーザ11 (波長 λ =610nm \sim 670nm)と第2光源である第2半導体レーザ12 (波長 λ =740nm \sim 870nm)とを有している。この第1半導体レーザ11は第1光ディスクの記録/再生する際に使用される光源であり、第2半導体レーザ12は第2光ディスクの記録/再生する際に使用される光源である。これら第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12は、記録/再生する光ディスクに応じて排他的に使用される。

【0025】合成手段30は、第1半導体レーザ11か

ち出射された光束と第2半導体レーザ12から出射された光束とを合成することが可能な手段である。すなわち、この合成手段30は、第1半導体レーザ11から出射された光束、あるいは、第2半導体レーザ12から出射された光束を、後述する1つの集光光学系を介して、それぞれ第1光ディスクあるいは第2光ディスクに集光させるために、同一(ほぼ同一でもよい)光路となす手段である。本実施の形態では、合成手段30として偏光プリズム(複屈折性プレート)で構成し、第1半導体レーザ11から出射された光束は常光線として光路を変更せずにそのまま通過させ、第2半導体レーザ12から出射された光束は異常光線として光路を変更している。なお、この合成手段30として、ホログラムを用いてもよい

【0026】集光光学系13は、第1半導体レーザ11 あるいは第2半導体レーザ12から出射された光束を、 光ディスク20の透明基板21を介して、情報記録面2 2上に集光させ、スポットを形成させる手段である。本 実施の形態では、集光光学系13として、光源から出射 された光束を平行光(略平行でもよい)に変換するコリ メータレンズ131と、コリメータレンズ131によっ て平行光とされた光束を集光させる対物レンズ132と を有している。このように、本実施の形態では、1つの 集光光学系13を用いて複数の光ディスクの記録/再生 を行うので、光ピックアップ装置10を低コストかつ簡 単な構造で実現させることができる。

【0027】なお、本実施の形態では、集光光学系13として、コリメータレンズ131と対物レンズ132とを用いた、いわゆる無限系の集光光学系13であるが、コリメータレンズ131がなく光源(第1半導体レーザ11あるいは第2半導体レーザ12)からの発散光を直接集光させる対物レンズ132のみ、いわゆる有限系の集光光学系13や、光源からの発散光の発散度合を減じるレンズ又は光源からの光束を収れん光に変更する(カップリング)レンズとこれらレンズを介した光束を集光させる対物レンズ132とを用いた、いわゆる準有限系の集光光学系13であってもよい。

【0028】また、光路内には、1/4波長板14および絞り15が設けられている。1/4波長板14はコリメータレンズ131を透過した光を直線偏光から円偏光に変え、絞り15は光束を開口数NA1以上の所定の開口数に制限する。本実施の形態では、絞り15は固定の開口数を有する絞りであり、余分な機構を必要とせず、低コスト化を実現できるものであるが、第2光ディスクの記録/再生時には開口数NA2に相当する開口数に制限するよう、絞り15の開口数を可変としてもよい。

【0029】変更手段40は、光源(第1半導体レーザ 11、第2半導体レーザ12)から出射した光東を光ディスク20へと導くとともに、光ディスク20の情報記録面22上から反射した光束を後述する光検出手段50 へと導くように、光源(第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12)から出射した光束の光路、及び/又は、光ディスク20の情報記録面22上から反射した光束の光路を変更する手段である。すなわち、変更手段40は、変更手段40と光ディスク20との間で、光源(第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12)から出射した光束の光路と光ディスク20の情報記録面22上から反射した光束の光路とを同じにさせる手段である。本実施の形態では、偏光性ホログラムで構成し、光源から出射した光束の光路は変更せずに、光ディスク20の情報記録面22上から反射した光束を回折させ、後述する光検出手段50へと導くように変更する。

【0030】なお、偏光性ホログラムとは、ホログラムを構成する媒質に複屈折性を有するもの(例えば、ニオブ酸リチウム)を用い、ホログラムに入射する光束の偏光の向きに応じてその回折効率が異なるようにしたものである。1/4波長板14と併用することで、光検出手段50への戻り光量を増大させ、信号のS/N比を向上させ、光源への戻り光を抑えてレーザノイズを低減させることができる。

【0031】光検出手段50は、変更手段40を介して(変更手段40によって光路を変更された)、情報記録面22上から反射した光束を受光し検出する手段である。この光検出手段50により、情報記録面上から反射した光束の光量分布変化を検出して、図示しない演算回路によって合焦検出(フォーカスエラー信号)、トラック検出(トラッキングエラー信号)、情報の読み取り(再生信号)がなされる。なお、合焦検出、トラック検出は、非点収差法、ナイフエッジ法、SSD法、位相差検出(DPD)法、プッシュブル(PP)法、3ビーム法など種々の公知の方法により行うことができる。

【0032】2次元アクチュエータ16は、対物レンズ132を移動させる手段であり、演算回路により得られた合焦検出に基づいて移動させるトラッキング制御用とかある。本実施の形態の2次元アクチュエータ(DVカーカシング制御用)16は、第1光ディスク(DVカーカシング制御用)16は、第1光ディスク(DVカーカシング制御用)16は、DVDの情報記録面上のビームスポット(第1半導体レーザ11から出射されたスポット)が最小となる(最小錯乱円となる)よう(ベストフォーカス)に、第2光ディスク(CDの記録/再生時には、CDの情報記録面上のビームスポット(第2半導体レーザ12から出射された光東を集光光学系により集光されたスポット)が最小錯乱円となる位置よりも対物レンズ132に近い前側位置に、対物レンズ132を移動させる。

【0033】これは、第2光ディスクを記録/再生する場合、第2光ディスクの透明基板の厚さt2が第1光ディスクの透明基板の厚さt1より厚くなることで球面収差が発生し、近軸焦点位置より後方の位置であってビー

ムスポットが最小錯乱円となる位置では、スポットサイズが大きく第2光ディスクのピット(情報)を読むことができない。しかしながら、最小錯乱円となる位置より対物レンズ132に近い位置である前側位置では、中央部に光量が集中した核と核の周囲に不要光であるフレアとからなる全体として最小錯乱円より大きいスポットが形成される。したがって、第2光ディスクを記録/再生する場合、対物レンズ132を前側位置に移動させ、この核を光検出手段50で検出して、合焦検出、トラック検出、情報の読み取りを行う。

【0034】このように、光ピックアップ装置10においては、第1光ディスクの記録/再生は、第1半導体レーザ11から出射した光束を、集光光学系13で第1光ディスクの透明基板を介して情報記録面に集光させ、情報記録面から反射した光束を光検出手段で受光して行われ、また、第2光ディスクの記録/再生は、第2半導体レーザ12から出射した光束を、集光光学系13で第2光ディスクの透明基板を介して情報記録面に集光させ、情報記録面から反射した光束を光検出手段で受光して行われる。

【0035】そこで、本実施の形態では、第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12及び光検出手段50を、ユニット60化している。これについて、ユニット60の斜視図である図2をも参照して説明する。

【0036】第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12及び光検出手段50は、ユニット60としてユニット化されている。ここで、本発明でいう「ユニット」あるいは「ユニット化」とは、ユニット化されている部材や手段が一体となって光ピックアップ装置10に組み込みができるようになっていることであり、すなわち、装置の組立時に1部品として組み付けることができる状態のことである。

【0037】本実施の形態では、ユニット60の基板61に、第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12及び光検出手段50を設けることにより、ユニット化している。したがって、光ピックアップ装置10の組立時には、各々の部材をそれぞれ調整しつつ光ピックアップ装置10の組立を行うのではなく、このユニット60を取り付けるだけで、ユニット化された部材を組み付けることができ、組立の簡略化、作業効率の向上を図ることができる。しかも、経年変化、温度変化に対しても強い構造となる。すなわち、個々の部品を近接させることで、機械的なストレスや経年変化、温度変化による寸法変化量が小さくなり、また、変更手段40から見たときの光源11、12と光検出手段50が近接した光路上となるため、共役性が維持しやすくなる。

【0038】なお、ユニット化にする際には、本実施の 形態では、第1半導体レーザ11の発光点と第2半導体 レーザ12の発光点と光検出手段50の受光面とを同一 平面となるように配置しているが、必ずしも同一平面に する必要はない。また、本実施の形態のように、第1半 導体レーザ11の出射面(発光点)と第2半導体レーザ 12の出射面(発光点)とを同方向に向け近接配置する ことにより、半導体レーザの後面出射光を検出する図示 しない受光素子を兼用することができ、さらに低コスト 化を実現できる。

【0039】また、このユニット60を構成する際には、第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12及び 光検出手段50のうち、少なくとも1つをユニット60 内での位置を調整可能なように設けることにより、第1 半導体レーザ11、第2半導体レーザ12及び光検出手 段50の関係を容易に調整できるようになる。特に、ユニット60の外部から調整可能なように設けることにより、第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12及び 光検出手段50間の位置誤差を吸収させることができる。

【0040】また、本実施の形態においては、ユニット60を光ピックアップ装置10に組み付ける前に、変更手段40をユニット60に設けるように構成している。すなわち、変更手段40を第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12及び光検出手段50とともにユニット化するようにしている。これにより、さらに組立の簡略化、作業の効率化の向上を図ることができる。特に、ユニット60に変更手段40を設ける際には、調整可能に設けることにより、組立後の調整を容易に行うことができる。

【0041】また、本実施の形態においては、変更手段 40を合成手段30より光源側に配置、逆に言えば、合 成手段30を変更手段40より光ディスク側に配置して いることにより、変更手段40により光路を変更する際 に、第1半導体レーザ11から出射し第1光ディスクか ら反射した光束と、第2半導体レーザ12から出射し第 2 光ディスクから反射した光束とが、変更手段40上で 異なる位置を通過すること(図2の変更手段40上に示 した斜線部)になり、変更手段40であるホログラムに 各々の光束を任意の方向に変更することができる。特 に、本実施の形態では、第1光ディスクから反射し変更 手段40によって変更された光束と、第2光ディスクか ら反射し変更手段40によって変更された光束とが、光 検出手段50上の同じ位置に結像するように、ホログラ ムを形成している。そのため、本実施の形態では、第1 光ディスクから反射した光束の検出と第2光ディスクか ら反射した光束の検出とを同じ受光素子(光検出手段5 0) で行うことができ、低コスト化を実現できる。

【0042】なお、本実施の形態のように変更手段40を合成手段30より光源側に配置するのではなく、図3に示すように、合成手段30を変更手段40より光源側に配置してもよい。この(図3)場合、合成手段30は、偏光ホログラムで構成しており、そのために、第2半導体レーザ12を第1半導体レーザ11に対して傾け

て配置している。また、この(図3)場合、第1光ディスクから反射した光束が変更手段40を通過する位置と、第2光ディスクから反射した光束が変更手段40を通過する位置とが同じになるので、それぞれの光検出手段50上での結像位置が異なり、それぞれの光束を検出する受光素子(光検出手段50)を設けるようにする。なお、この(図3)場合、ユニット60の外壁には、光ディスクから反射した光束を通過させるために、その分だけ合成手段30を小さくし、開口62が設けている。また、この(図3)場合、第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12、光検出手段50及び合成手段30をユニット60に設けてユニット化しているが、さらに、変更手段40をもユニット化してもよく、さらに、1/4波長板14を変更手段40に接着して、一体化してもよい。

【0043】また、本実施の形態においては、ユニット化する際に、第1半導体レーザ11と第2半導体レーザ12とを隣接して設けているので、合成手段30による合成する際、光路の変更に余分な負担を与えることなく合成することができる。また、本実施の形態では、必要開口数が小さい方の光ディスク(すなわち第2光ディスク)の記録/再生に使用する第2半導体レーザ12から出射された光束の光路を変更する(すなわち、必要開口数が大きい方の第1光ディスクの記録/再生に使用する第1半導体レーザ11から出射された光束の光路を変更しない)ので、より集光特性が要求される第1光ディスクの記録/再生を良好にするばかりでなく、第2光ディスクの記録/再生を良好にするばかりでなく、第2光ディスクの記録/再生も行うことができる。

【0044】(第2の実施の形態)次に第2の実施の形態について、第2の実施の形態の光ピックアップ装置10の概略構成図である図4に基づいて説明する。上述した第1の実施の形態においては、合成手段30と変更手段40とをそれぞれ別体の光学部材で構成したが、本実施の形態においては、1つの光学部材で構成したものである。なお、上述した第1の実施の形態と同一の機能・構成要素を用いる場合には同じ図番を付し、断らない限り既に説明したものと同じとし、説明を省略する。

【0045】本実施の形態では、1つの光学部材70の 光源側の面に変更手段40として機能するホログラムを 設け、光ディスク側の面に合成手段として機能するホロ グラムを設けている。これにより、合成手段30及び変 更手段40を光ピックアップ装置10に組み付ける際の 作業性が向上する。さらに、本実施の形態では、ユニット60を光ピックアップ装置10に組み付ける前に、火 学部材70をユニット60に設けるように構成してい る。すなわち、光学部材70(合成手段30と変更手段 40)を第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12 及び光検出手段50とともにユニット化するようにして いる。これにより、さらに組立の簡略化、作業の効率化 の向上を図ることができる。特に、第1半導体レーザ1

1、第2半導体レーザ12及び光検出手段50のうち、 少なくとも1つをユニット60内での位置を調整可能な ように設けることにより、第1半導体レーザ11、第2 半導体レーザ12及び光検出手段50の関係を、合成手 段30及び変更手段40の関係から容易に調整できるよ うになる。特に、ユニット60の外部から調整可能なよ うに設けることにより、ユニット60の組立時の調整を 容易に行うことができる。

【0046】また、本実施の形態では、光学部材70の 光源側の面に変更手段40を光ディスク側の面に合成手 段30を設けたので、第1光ディスクから反射した光束 の検出と第2光ディスクから反射した光束とを共通の光 検出手段50の受光素子 (図示せず) を用いることがで きる。しかしながら、図5に示すように、光学部材70 の光源側の面に合成手段30を光ディスク側に変更手段 40を設けてもよい。

【0047】 (第3の実施の形態) 次に第3の実施の形 態について、第3の実施の形態の光ピックアップ装置1 0の概略構成図である図6に基づいて説明する。上述し た第1、2の実施の形態においては、合成手段30を用 いて、第1半導体レーザ11から出射された光束の光軸 と第2半導体レーザ12から出射された光束の光軸とを 一致させ、集光光学系13の光軸と一致させるようにし たが、本実施の形態においては、一方の光源から出射さ れた光束を、集光光学系13に斜方から入射させるよう に構成したものである。なお、上述した第1の実施の形 態と同一の機能・構成要素を用いる場合には同じ図番を 付し、断らない限り既に説明したものと同じとし、説明 を省略する。

【0048】本実施の形態においては、必要開口数が小 さい方の第2光ディスクの記録/再生に使用する第2半 導体レーザ12から出射された光束が、集光光学系13 の斜方から入射するように構成している。一方、必要開 口数が大きい方の第1光ディスクの記録/再生に使用す る第1半導体レーザ11から出射された光東は、集光光 学系に斜方から入射させない (換言すると、集光光学系 13の光軸と第1半導体レーザ11から出射された光束 の光軸とが一致)ように構成している。これに伴い、合 成手段30を省いている。

【0049】このように構成することにより、本実施の 形態では、一方の光源から出射した光束を集光光学系 1 3に斜方から入射するので、第1、2の実施の形態では 必要であった合成手段30が不要となり、低コスト化を 実現できるばかりでなく、組立作業の効率化を図ること ができる。また、本実施の形態では、必要な開口数の小 さい第2半導体レーザ12から出射した光束を集光光学 系13に斜方から入射させたので、より集光特性が要求 される第1光ディスクの記録/再生を損なうことなく、 若干の余裕のある第2光ディスクの記録/再生も行うこ とができる。

【0050】また、本実施の形態においては、コリメー タレンズ131から絞り15までの距離が、コリメータ レンズ131の焦点距離とほぼ等しくなるように配置し ているので、第2半導体レーザ12の光束の中心が絞り 15の中心と一致し、対物レンズ132に入射する光束 の光量分布の対称性が向上する。したがって、対物レン ズ132がシフトしたときの光量分布変動を小さくする ことができ、トラッキングレンジを広くすることができ る。また、絞り15から対物レンズ132までの距離 を、対物レンズ132の焦点距離と同じになるように配 置すると、対物レンズ132から第2光ディスクへ向か う光束は、対物レンズ132の光軸と平行になり好まし V.

【0051】また、本実施の形態において、変更手段4 0と光ディスクとの間の光路中に、第2半導体レーザ1 2の波長で凹レンズとしての作用を有し、第1半導体レ ーザ11の波長では作用しない波長選択性ホログラム素 子を設けることにより、透明基板の厚さが厚くなること によって生じるオーバー方向の球面収差を補正すること ができる。すなわち、光路中に、第2半導体レーザ12 の波長で凹レンズ作用するホログラム素子を設けること により、第2半導体レーザ12の波長では厚い透明基板 の光ディスクに、第1半導体レーザの波長では薄い透明 基板の光ディスクに対応した光ピックアップ装置10と することができる。この場合、ホログラム素子のホログ ラムの格子構造深さは、光路長として第1半導体レーザ 11の波長 l 1でn l 1 (ただし、n = 整数) と、第2 半導体レーザ12の波長λ2で (n+1/2 (λ2) (ただし、n=整数) との公倍数となるような深さに選

ぶことにより容易に行うことができる。

【0052】以上詳述した第1~第3の実施の形態にお いて、第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12、 光検出手段50各々は、ユニット60の基板61に直接 設けるようにしたが、これに限られることはない。例え ば、図7 (a) に示すように、2つの半導体レーザ1 1、12を積層してもよい。すなわち、半導体レーザに は、その発光に伴う熱を逃がすためのヒートシンク81 が必須となるが、このヒートシンク81上の導電性の面 に第1半導体レーザ11を設ける。そして、第1半導体 レーザ11上に導電層であるアルミニウムを蒸着し、こ の導電層上(すなわち、第1半導体レーザ11上)に第 2半導体レーザ12を積層する。そして、第2半導体レ ーザ12上を導電層であるアルミニウムを蒸着する。ー 方、第1半導体レーザ11の下方には光検出手段50を 設ける。そして、各導電層にワイヤー82~84をボン ディングして、駆動電流を流すためのワイヤー82~8 4を設ける。すなわち、ワイヤー82、83間に駆動電 流を流すことにより第1半導体レーザ11が発光し、ワ イヤー83、84間に駆動電流を流すことにより第2半 導体レーザ12が発光する(端子83が共通電極とな

り、第1半導体レーザ11と第2半導体レーザ12間の 導電層が共通導電層となる)。光ピックアップ装置においては、第1半導体レーザ11と第2半導体レーザ12 とを排他的に発光させるので、このように構成すること により、省スペース化、簡素化等の点で好ましい。

【0053】また、この(図7(a))場合、第1半導 体レーザ11、第2半導体レーザ12から出射される光 東は、各々半値全角で10°、30°程度の楕円形状で あり、発散角の広い方向に第1半導体レーザ11と第2 半導体レーザ12とが並ぶ。また、この並ぶ方向を、光 ピックアップ装置として、光ディスクのタンジェンシャ ル方向となるようにすることにより、タンジェンシャル 方向のスポットサイズを小さくすることができる。さら に、第3の実施の形態のように、一方の光束が集光光学 系の軸外光束となる場合であっても、対物レンズ16が トラッキングによりシフトしたときの光量変化に非対称 性が生じにくく、さらに、集光光学系に斜入射すること により生じる非点収差を、半導体レーザが有する非点収 差で打ち消すことができる。なお、この場合、第1半導 体レーザ11を光軸上に、第2半導体レーザ12を光軸 外に配置し、第2半導体レーザ12の非点収差が第1半 導体レーザ11より大きくなるように選ぶことが好まし V.

【0054】このように2つの半導体レーザ11、12を積層することにより、第1半導体レーザ11の発光点 111と第2半導体レーザ12の発光点121とのずれが、100 μ m程度にすることが可能となり、各々の半導体レーザ11、12を基板61上に並べるよりは近接させることができる。また、一方の半導体レーザ(この例では第1半導体レーザ11)は、発光点111側を直接ヒートシンク上に設けることができ、放熱上有利となる。

【0055】また、この(図7(a))場合においては、それぞれの発光点111、121を光軸方向にずらして配置することにより、積層した半導体レーザ11、12各々から出射した光束が、他の半導体レーザもしくはヒートシンクによってけられることがないようにしたが、これに限られず、図7(b)に示すように、発光点11、121を同一平面(光検出手段50の受光面も含めて)上にしてもよい。

【0056】なお、図7 (b)に示した例は、第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12を同一平面上に設けただけでなく、さらに、第1半導体レーザ11の発光点111に近い側の側面に導電層であるアルミニウムを蒸着して、その上に第2半導体レーザ12の発光点121に近い側の側面が接するように積層し、発光点111、121とを密着させた状態で積層して、発光点111、121間が10 μ m以内に近接配置するようにしたものである。このため、図7 (b)に示す例では、上述した第1、2の実施の形態に用いる場合、合成手段30

を省略することができ、第1半導体レーザ11、第2半 導体レーザを共に集光光学系のほぼ光軸上として使用す ることができるので、集光性能上好ましい。

【0057】また、以上詳述した第1~第3の実施の形態において、第1半導体レーザ11、第2半導体レーザ12、光検出手段50は、一直線に並ぶように、ユニット60の基板61に設けたが、これに限らず、第1半導体レーザ11と第2半導体レーザ12とが並ぶ方向とは異なる位置に光検出手段50を設けてもよい。また、第1半導体レーザ11及び第2半導体レーザ12から出射した光束が直接合成手段30あるいは変更手段40に入射するようにしたが、ミラー等により光路を変更させた後入射するようにしてもよい。この例を図8に示す。

【0058】図8において、受光手段50は、シリコン基板51上に半導体プロセスにより受光素子52が形成されている。このシリコン基板51に2つの凹部53及び2つのミラー部54を設けている。そして、この凹部53に、第1半導体レーザ11と第2半導体レーザ12とを実装する。したがって、第1半導体レーザ11と第2半導体レーザ12とが並ぶ方向とは異なる位置に光検出手段50が配置され、かつ、第1半導体レーザ11及び第2半導体レーザ12から出射した光束が変更された後合成手段30あるいは変更手段40に入射するようにさせることができる。

【0059】また、図8のように、受光素子52の基板51上に半導体レーザ11、12を実装することにより、よりコンパクトなユニット60を構成することができる。また、部品点数を減らし、精密組立や作業の効率化ができる。なお、図8においては、ミラー部54を形成したが、ミラー部54の代わりに合成手段30を実装するようにしてもよい。

【0060】なお、以上の説明においては、CD (含CD-R) は第2光ディスクを指すものとし、第2半導体レーザ12を第2光ディスクの記録/再生を行うための光源としたが、第2半導体レーザ12をCD-Rの記録/再生を行うための光源とし、CDの記録/再生は第1半導体レーザ11で行ってもよい。

【0061】 (具体例1) 上述した光ピックアップ装置 10のうち、図1、4、6に用いられるユニット60の配置の具体例を図9に示す。図9 (a) はユニット60の配置関係を示した図であり、図9 (b) は本具体例の変更手段40であるホログラム素子の拡大模式図である。なお、本具体例では、第1半導体レーザ11の波長を λ 1=640nm、第2半導体レーザ12の波長を λ 2=790nm、変更手段40であるホログラム素子40と光源(11、12)の発光点、光検出手段50の受光面との間の距離をL=10mm、ホログラム素子40の平均ピッチp=5 μ m、第1半導体レーザ11を集光光学系の光軸上に配置したものとする。

【0062】第1半導体レーザ11から出射した光束

は、ホログラム素子40を0次光として通過直進し、第1光ディスクの情報記録面より反射して再び元の光路をたどりホログラム素子40へ入射する。本具体例ではホログラム素子40の平均ピッチ $p=5\mu$ mであるので、 ± 1 次光は $\pm \lambda$ 1/p($\pm \pm 7$. 3°)回折し、第1半導体レーザ11からd1(=1. 28mm)離れて光検出手段50上に結像する。なお、本具体例のようにホログラム素子40をブレーズド化することで、 ± 1 次光のうち一方のみへの回折効率を高くすることができる。

【0063】第2半導体レーザ12から出射した光束 も、上述と同様に、ホログラム素子40を0次光として 通過直進し、第1光ディスクの情報記録面より反射して 再び元の光路をたどりホログラム素子40へ入射する。 ホログラム素子40は、この波長22では、約9°回折 し、第2半導体レーザ12からd2(=1.58mm) 離れて光検出手段50上に結像する。

【0064】このように、第1半導体レーザ11と第2 半導体レーザ12とを0.3mm離し、光検出手段50 の受光面の中心が第1半導体レーザ11から1.28m m、第2半導体レーザ12から1.58mm離して、同 一平面上で配置する。

【0065】このようにして配置したユニット60を用いて、光ディスクの記録/再生を行った結果、DVDから反射した光束と、CDから反射した光束とを同じ光検出手段50で検出することができ、しかも、DVD、CDともに、良好に記録/再生を行うことができる。

【0066】(具体例2)次に、光検出手段50の具体 的構成を含めた具体例を図10に示す。図10はユニッ ト60内の構成を模式的に示した図であるので、ユニッ ト60等は記載を省略する。第1半導体レーザ11、第 2半導体レーザ12、光検出手段50の受光素子を同一 平面上に配置している。なお、第1半導体レーザ11、 第2半導体レーザ12は、ヒートシンク81上に個々に 設けられたものであり、発光点111、121とは反対 側に、1つの光検出器85が設けられている。この光検 出器85は、半導体レーザ11、12から出射した光東 の光量が所定の光量となるようにAPC (オートパワー コントロール)回路で半導体レーザ11、12の電流制 御するため、半導体レーザ11、12の後方から出射さ れた光の光盘を検出する光検出器であり、本実施の形態 では半導体レーザ11、12を1つの光検出器85で検 出する。

【0067】また、本具体例では、フォーカスエラー信号をナイフエッジ法で検出するよう構成したものであり、そのために、光検出手段50の受光面には、A1~D2の8つの受光素子(受光面)が設けられている。また、変更手段40にはホログラム素子を用い、このホログラム素子をA~Dの4分割しており、各分割面が光検出手段50の受光面に結像するように、分割Aを平均ピッチp=4.25 μ m、分割Bの平均ピッチp=4.7

 $5 \mu m$ 、分割Cの平均ピッチp = 5. $25 \mu m$ 、分割Dの平均ピッチp = 5. $75 \mu m$ にしている。

【0068】この具体例においては、2つの半導体レーザ11、12と光検出手段50とを予め決められた精度でユニット60(図示せず)内に固定し、これらに対して、ホログラム素子40を、光軸方向、回転方向に調整して固定することにより良好な調整を行うことができ、しかも、その作業は非常に簡便となった。

【0069】なお、この具体例においては、フォーカスエラー信号FEは、

FE = (A2+B1+C1+D2) - (A1+B2+C2+D1)

によって得ることができる。なお、A1~D2は、各受 光面での検出した光量である。

【0070】また、この具体例において、トラッキング エラー信号TEは、位相差検出(DPD)法の場合、

TE = (A 1 + A 2 + C 1 + C 2) - (B 1 + B 2 + D 1 + D 2)

によって得ることができ、プッシュブル (PP) 法の場合。

TE = (A 1 + A 2 + B 1 + B 2) - (C 1 + C 2 + D 1 + D 2)

によって得ることができ、情報信号は全体の総和A1+A2+B1+B2+C1+C2+D1+D2で検出することができる。なお、A1~D2は、各受光面での検出した光量である。

【0071】また、本具体例の場合、受光面A1~D2が、半導体レーザ11、12から離れるに従いその受光面積を大きくする(詳細には、半導体レーザ11、12と光検出手段50とが並ぶ方向と同方向に長くする)ことにより、半導体レーザ11、12の波長の違いによる、変更手段40による回折角のバラツキの影響を吸収することができる。すなわち、第2半導体レーザ12の光束は、第1半導体レーザ11の光束よりも、光検出手段50上において、半導体レーザ11、12と光検出手段50とが並ぶ方向と同方向に(受光面A1、A2からD1、D2までの距離が)のびたようになるため、そののびた範囲をカバーできるように、受光面を設けておく。

[0072]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によると、 複数の光情報記録媒体を記録/再生する光ピックアップ 装置において、装置の組立の簡略化、作業効率の向上を 図るとともに、温度変化に対して強い光ピックアップ装 置とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施の形態の光ピックアップ装置の概略 構成図である。

【図2】 ユニットの斜視図である。

【図3】第1の実施の形態の変形例の光ピックアップ装

置の概略構成図である。

【図4】第2の実施の形態の光ピックアップ装置の概略 構成図である。

【図5】第2の実施の形態の変形例の光ピックアップ装置の概略構成図である。

【図6】第3の実施の形態の光ピックアップ装置の概略 構成図である。

【図7】 ユニットの変形例を示す図である。

【図8】ユニットの変形例を示す斜視図である。

【図9】具体例1を示す図である。

【図10】具体例2を示す図である。

【符号の説明】

`}

10 光ピックアップ装置。

11 第1半導体レーザ (第1光源)

12 第2半導体レーザ (第2光源)

13 集光光学系

15 絞り

20 光ディスク (光情報記録媒体)

21 透明基板

22 情報記録面

30 合成手段

40 変更手段

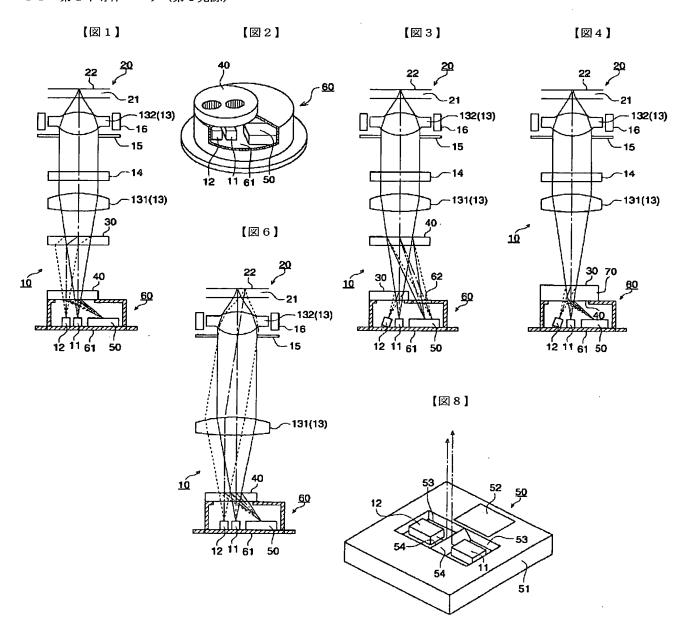
50 光検出手段

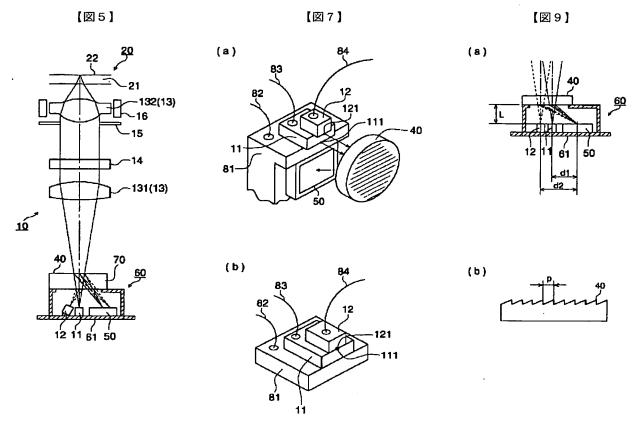
60 ユニット

70 光学部材

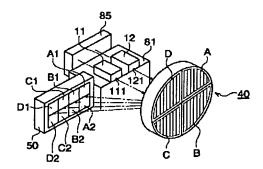
81 ヒートシンク

111、121 発光点





【図10】





This Page Blank (uspto)